# АКАДЕМИЯ НАУК ЛАТВИЙСКОЙ ССР ИНСТИТУТ ФИЗИКИ

На правах рукописи

#### ТРИНКЛЕР ЛАЙМА ЭРНЕСТОВНА

УДК 535.33:539.2

# АКТИВАТОРНЫЕ И ОКОЛОАКТИВАТОРНЫЕ ВОЗБУЖДЕНИЯ ЩЕЛОЧНО-ГАЛОИДНЫХ КРИСТАЛЛОВ, АКТИВИРОВАННЫХ ДВУХЗАРЯДНЫМИ РТУТЕПОДОБНЫМИ ИОНАМИ

# ДИССЕРТАЦИЯ

на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук

3470-8



Научный руководитель — старший научный сотрудник, доктор физико-математических наук
Плявиня И.К.

Munumare

Саласпиле - 1989



# СОДЕРЖАНИЕ

|    |   | cap. |
|----|---|------|
|    | CHACOK CORPANIERINA                               | 5    |
| I. | BBELEHME  | 6    |
| 2. | CHEKTPAREHEE CBOXCTBA ETK, AKTYBUPOBAHEEK PTYTE-  |      |
|    | подобными примножми (Обзор литературы)            | 16   |
|    | 2.1. Характеристика свободных ртутеподобных ионов | 16   |
|    | 2.2. Спектры поглощения                           | 17   |
|    | 2.2.I. A , B , C -полосы поглощения               | 18   |
|    | 2.2.2. ⊗ -полосы поглощения                       | 19   |
|    | 2.3. Ломинесценция ртутеподобных центров          | 24   |
|    | 2.3.1. Люминесценция однозарядных РЦ в ЩК         | 27   |
|    | 2.3.2. Модель никнего возбукденного состояния     |      |
|    | P4  | 29   |
|    | 2.3.3. Ломинесценция двухзарядных РЦ в ЩК         | 35   |
| 3. | РАДИАЦИОННОЕ ДЕФЕКТООБРАЗОВАНИЕ В ЩТК             |      |
|    | (Обзор литературы)                                | 39   |
|    | 3.1. Деректообразование в неактивированных ШК     | 39   |
|    | 3.2. Дефектообразование в активированных ЩТК      | 42   |
|    | 3.3. Рекомбинационная ломинесценция ЦТК           | 49   |
| 4. | OBJECTH W METOJAKA WCCHEJOBAHWA                   | 55   |
|    | 4.1. Объекты исследования                         | 55   |
|    | 4.2. Криостат и измерение температуры             | 55   |
|    | 4.3. Методика измерения спектров поглощения       | 56   |
|    | 4.4. Методика измерения спектров излучения и воз- |      |
|    | буждения  | 57   |
|    | 4.5. Методика поляризационных измерений           | 58   |
|    | 4.6. Методика измерения фотостимулированной люми- |      |
|    | несценции   | 59   |

|    | 4.7. Методика измерения поляризационных свойств           |     |
|----|---|-----|
|    | ₽CJI  | 61  |
|    | 4.8. Методика измерения ТСЛ                               | 63  |
| 5. | закономерности излучения M2+OC - Центров в щтк            |     |
|    | ПРИ АКТИВАТОРНОМ ВОЗБУЖДЕНИИ                              | 64  |
|    | 5.1. Оптические свойства $M^{2+}\sigma_c^-$ [IIO] центров | 65  |
|    | 5.1.1. $P\ell^{2r} \sigma_e$ [110] центры в кристаллах    |     |
|    | KCL-P6 M KBr-P6   | 65  |
|    | 5.1.2. Sn <sup>2+</sup> ve [110] центры в кристаллах      |     |
|    | KCl, KBr, KJ  | 76  |
|    | 5.2. Оптические свойства $M^{2+}\sigma_c^-$ [001] центров | 93  |
|    | 5.3. Общие черты активаторной люминесценции в             |     |
|    | ЩК, активированных двухзарядными примесями                | 98  |
|    | 5.4. Выводы   | 103 |
| 6. | ОКОЛОАКТИВАТОРНЫЕ ВОЗБУЖДИНИЯ                             | 104 |
|    | 6.І. Структура 🛇 -области кристалла КЭ-Sn                 | 104 |
|    | 6.2. Процессы преобразования энергии при возбуж-          |     |
|    | дении кристалла К₹-Sn в ⊗ -области                        |     |
|    | поглощения  | 109 |
|    | 6.3. Интерпретация $\&$ -полос поглощения                 |     |
|    | 6.4. Выводы   | II8 |
| 7. | ДЕФЕКТООБРАЗОВАНИЕ ПРИ ОКОЛОАКТИВАТОРНОМ ВОЗБУЖДЕНИИ      | II9 |
|    | 7.1. Дефектообразование при околоактиваторном             |     |
|    | возбуждении в кристалле КЭ-ТС                             | II9 |
|    | 7. І.І. Фотостимулированная люминесценция                 |     |
|    | кристалла КЭ-ТС   | II9 |
|    | 7.1.2. Низкотемпературный механизм запасания              |     |
|    | светосуммы в 🔊 полосе поглощения                          |     |
|    | кристалла КЭ-Те и ее высвечивания                         | 125 |

|    |      | 7.2.I. Фотостимулированная люминесценция              |
|----|------|---|
|    |      | кристалла КУ-Sn                                       |
|    |      | 7.2.2. Термостимулированная ломинесценция             |
|    |      | в кристалле КУ-SN                                     |
|    |      | 7.2.3. Механизм создания при облучении в              |
|    |      | D <sub>6</sub> поло <b>се</b> поглощения и высвечива- |
|    |      | ния активаторной светосуммы в крис-                   |
|    |      | талле КУ-8л   |
|    | 7.3. | Обсуждение предложенной модели запасания              |
|    |      | светосумым при $\mathcal D$ облучении при низких      |
|    |      | температурах  |
|    | 7.4. | Выволы  |
| 8. | ЗАКЛ | иние  |
|    | HWTE | PATYPA  |

#### СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

БК – быстрый компонент фотосцинтилляции

ИК - инфракрасный свет

МАЛЭ - молекулярный автолокализованный экситон

ыК - медленный компонент фотосцинтилляции

ПВ - поляризационный выброс

РД - радиационный дерект

РЦ - ртутеподобный центр

спин-орбитальное взаимодействие

ТЖА - температура жидкого азота

ТЫТ - температура жидкого гелия

ТСЛ - термостимулированная люминесценция

УФ - ультрафиолетовый свет

ФСЛ - фотостимулированная ломинесценция

ЭПАП - энергетическая поверхность адиабатического потенциала

ЭПТ - эффект Яна-Теллера

## I. BBEGAME

Актуальность темы. Изучение процессов активаторного и околоактиваторного возбуждения активированных ртутеподобными примесями ШК представляет интерес как в научном, так и в прантическом плане. Активаторное возбуждение вызывает активаторную люминесценцию, а околоактиваторное возбуждение помимо активаторной люминесценции приводит к образованию деректов вблизи активатора. Оба аспекта взаимодействия издучения с ШК имеют значение для развития в физике ШК представлений относительно энергетической структуры активаторного центра и процесса деректообразования в присутствии активатора. Благодаря особенности строения ШК, они являются удобными модельными объектами для изучения основных закономерностей как внутрицентровой люминесценции, так и деректообразования в широком классе дизпектрических материалов, активированных \$2 монами.

щк представляют собой дешевые, легко синтезируемые вещества с варьируемыми свойствами, которые нашли применение в качестве радиационно-чувствительных материалов для создания детенторов ионизирующих излучений, оптических запоминающих устройств, активных сред в перестраиваемых лазерах. Исследование дефектообразования при околоактиваторном возбуждении является актуальным как для создания материалов с радиационно-заданными свойствами, так и для оптической записи и считывания информации.

Состояние вопроса и задачи работы. Огромное количество работ посвящено изучению свойств внутрицентровой люминесценции ртутеподобных центров (РЦ) в ЩТК. Экспериментальные результаты по изучению спектральных, кинетических, поляризационных свойств, эксперименты по ЭПР позволили проследить зако-

номерности внутрицентровой люминесценции РЦ в разных ШГК. Необходимо отметить больной вклад в эти исследования Лушика, Дущик, Зазубович и их сотрудников, Плявинь с сотрудниками, Фунуды, Эджертона, Ле Си Данга, Тсубоя и многих других /1-3 /. Теоретическое осмысление экспериментальных данных в работах Берсукера, Хижнякова, Ранфаньи и др. / 28-32 / привело к пониманию важной роли эффекта Ана-Теллера. обусловленного взаимодействием оптических электронов с неполносиметричими колебаниями решетки, для оптических свойств РЦ в ШТК. В результате действия ЭПТ на энергетической поверхности адиабатического потенциала (ЭПАП) возбужденного состояния РЦ одновременно возникают минимумы тетрагональной и тригональной симметрии. Было известно, что излучение из минимумов разного типа возбужденного состояния изотропного РЦ представлено А, и А, полосами, обладающими при низких температурах поляризацией соответственно тетрагонального и тригонального характера. Что касается двухзарядных РЦ, обозначеных  $\mathcal{M}^{2+}$ , большая часть которых ассоциирована с катионной вакансией  $\psi_{a}^{+}$  , образуя  $M^{2+}\psi_{a}^{-}$  диполь, то их излучение тоже было достаточно хорошо известно, и не возникало сомнений, что и анизотропные РЦ испытывают действие ЭНТ. Однако в спектре люминесценции двухэарядных РЦ была известна только А, полоса издучения тетрагонального типа, расшепленная на две подполосы из-за возмущающего действия катионной вакансии. Относительно тригонального А, излучения данных к началу наших исследований не было. Поэтому важно было выяснить, является ли излучение с тетрагональных и тригональных минимумов ЭПАП возбужденного состояния общим свойством всех типов РЦ, или проявляется тольно в изотропных РЦ. Не решенным до конца оставался также вопрос о положении катионной вакансии относительно

иона двухварядной примеси, определяющем структуру и оказывающем влияние на оптические свойства  $\mathcal{M}^{2+}v_{c}^{-}$  центра.

Активаторное излучение возбуждается не только в активаторных полосах поглощения A, B, C, но и в D-полосах, обусловленных поглощением в околоактиваторной области. Относительно природы околоактиваторного поглощения пока еще нет единого мнения. Структура D поглощения сложная, особенно в ЩТК, активированными двухзарядными ртутеподобными примесями, и не может считаться до конца выясненной. Изучение структуры D-области поглощения и интерпретация ее природы представляют интерес с точки зрения создания единого представления о внутрицентровом возбуждении активаторного излучения.

В 🗋 -области не только возбуждается активаторная люминесценция, но и происходит запасание активаторной светосуммы, обусловленной созданием деректов вблизи активатора. Об этом свидетельствует совпадение полос в спектре создания активаторных светосумы и в спектре поглощения. Процессы образования деректов в неактивированных ШК изучены достаточно хорошо: известно, что основной причиной появления раднационных дефектов (РД) в ЩК является распад молекулярного автолокализованного экситона (МАПЭ). Изучался также процесс распада МАЛЭ на РД в ШТК, активированных ртутеподобными примесями. Было выяснено, что наличие РЦ влияет на разные аспекты деректообразования: на количество МАЛЭ, образующихся при обдучении кристалла, на место их распада, на создание вторичных радиационных деректов. Эти исследования не объясняют, однако, механизма низкотемпературного процесса деректообразования при околоактиваторном возбуждении. Представлялось интересным исследование природы деректообразования при низких температурах в условиях околоактиваторного возбуждения и

выяснения роли антиватора.

В связи с вышеизложенным в работе ставились следующие задачи:

- Провести поиск и исследование А<sub>X</sub> полос ломинесценции с тригональной поляризацией, относящихся к излучению никнего возбужденного состояния двухзарядных ртутеподобных центров в ЩТК.
- 2. На основе спектральных и поляризационных исследований ломинесценции активированных ЩК определить положение катионной вакансии относительно двухзарядного активаторного иона.
- 3. Провести поиск коротковолновых полос в  $\mathcal{D}$  -области поглощения кристанлов  $\mathcal{KS}$  , активированных ртутеподобными ионами.
- 4. Определить число полос в *D* -области поглощения кристалла *КУ-Я* и исследовать их свойства с целью уточнения их интерпретации.
- Провести исследование процесса запасания и высвечивания активаторной люминесценции при Д -облучении в кристалле КУ-Sh в районе низких температур.
- 6. Связать процесс запасания и высвечивания активаторной светосуммы с адекватным механизмом деректообразования, происходящего при околоактиваторном возбуждении при низких температурах.

Наиболее подходящим объектом для исследования структуры D -области поглощения и процессов, происходящих при ее возбуждении, нам представлялся кристалл KY-Sn. В спектре поглощения KY экситонная полоса на краю фундаментального поглощения, а следовательно, и примыкающая к ней D -область, расположены в удобном для наблюдения районе, а из двух дос-

тупных ртутеподобных активаторов  $Sh^{2+}$  и  $P6^{2+}$  , только  $Sh^{2+}$  обладает хорошо выраженной активаторной ломинесценцией (излучение  $P6^{2+}$  в KS сильно потушено).

Из использованных методик следует отметить поляризационные измерения, применение которых определяется поставленными задачами. Данные поляризационных измерений являются решающими при определении симметрии возбужденного состояния издучаощего центра, его взаимодействия с окружающей решеткой и для интерпретации механизма запасания энергии при околоактиваторном возбуждении.

В соответствии с поставленными задачами, нами было проведено исследование оптических свойств ЩТК, активированных двухзарядными ртутеподобными ионами мат , которое включало в себя: изучение внутрицентровой ломинесценции примесных ионов, изучение структуры Д -области поглощения, изучение професса запасания активаторной светосумым при облучении вД - области при низких температурах. Надо отметить, что все эти темы взаимосвязаны: исследование числа и поляризации полос излучения при А -возбуждении дало возможность уточнить структуру излучающих центров и интерпретацию полос излучения, это позволило определить число и положение полос поглощения РЦ, в том числе и в Д -области, а также сделать выводы относительно их природы, что, в свою очередь, способствовало интерпретации механизма дефектообразования при околоактиваторном возбуждении.

<u>Научная новизна</u> полученных результатов заключается в следующем:

I. Впервые обнаружена поляризация тригонального характера в излучении двухзарядных ртутеподобных ионов в кристаллах КСС-Р6 . КВг-Р6 . КСС-Уп . КВг-Уп и КУ-Уп .

- 2. Обнаружены ранее неизвестные полосы в излучении кристаллов: KCC-Sn 800 нм тетрагонального типа, KB2-Sn 800 нм тетрагонального и 750 нм тригонального типа, KJ-Sn 780 нм тетрагонального и 480 и 710 нм тригонального типа.
- 3. Уточнена структура активаторных диполей  $M^{2+} l_c^{-} = 1$  кристаллах KCl-Pl « KPr-Pl » KCl-Sn « KPr-Sn » KPr-Sn » KY-Sn »
- В длинноволновой области экситонного пика поглощения активированных иодидов обнаружены полосы, обусловленные околоактиваторным возбуждением.
- 5. Предложена интепретация структуры D -области кристалла KJ-M, согласно которой 6 D -полос обусловлены возбуждением ионов иода из первой координационной сферы, окружающей ион  $Sn^{2+}$ , входящий в состав диполя  $Sn^{2+}$  [110], в разной степени возмущенными влиянием катионной вакансии, в зависимости от положения иона иода, а также расщеплением возбужденного иона иода.
- Выяснен сложный состав спектров стимуляции активаторной вспышки, возникающей при Д -облучении в кристаллах КУ-Те и КУ-Sn.
- 7. Обнаружено наличие поляризационных свойств стимулированной люминесценции в кристаллах КУ-ТС и КУ-Sn .
- 8. Измерена термостимулированная люминесценция кристалла  $K\mathcal{F}$ - $\mathcal{F}$  $\mathcal{N}$ , предварительно облученного в  $\mathcal{D}$  -области поглощения, и выяснено, что она совержит четыре термопика:  $\mathcal{T}_{\mathcal{T}} =$  = 113;  $\mathcal{T}_{\mathcal{L}} = 135$ ,  $\mathcal{T}_{\mathcal{J}} = 175$  и  $\mathcal{T}_{\mathcal{U}} = 20$  К. Изучены свойства
  термостимулированной люминесценции, а также фотостимулированной люминесценции, соответствующих каждому термопику.
- 9. Обнаружен сложный состав затухания активаторной вспышки, запасенной облучением в D -области кристалла КУ-Sn.

и изучены свойства его трех компонентов, каждый из которых связан с определенным термопиком.

10. Предложен низкотемпературный механизм запасания при 
—облучении и высвечивания активаторной светосуммы в кристаллах КУ-ГС и КУ-Гм. Запасание светосумым связано с возбуждением околоактиваторного исна исда и его последующей релаксации, сопровождаемой переходом электрона на ближайшие
катионы калия и активатора, выполняющие роль ловушек. Фотои термостимуляция способствуют обратному переходу электронов
с ловушек на атом исда, релаксация возбуждения которого завершается передачей энергии активатору и его свечением.

### Защищаемые положения

- I. На энергетической поверхности адиабатического потенциала нижнего возбужденного состояния двухзарядных ртутепо-добных центров в ЕГК в результате эффекта Яна-Теллера наряду с минимумами тетрагональной симметрии возникают минимумы тригональной симметрии.
- 2. Большая часть двухзарядных примесных ионов  $Sn^{2+}$  и  $Pl^{2+}$  в закаленных кристаллах KCl, KBr, KS образует ассоциаты с катионной вакансией, расположенной в первой катионной сфере в направлении оси Cr ( $M^{2+}C[110]$  типа), их A -излучение представлено двумя тетрагональными и двумя тригональными полосами. В закаленных KCl, KBr, KT кристаллах, активированных оловом, небольшая часть примесных ионов образует ассоциаты с катионной вакансией, расположенной во второй катионной сфере в направлении оси Cr ( $M^{2+}C[001]$  типа), для которых характерно наличие двух тетрагональных полос излучения.
  - 3. Д -область поглощения кристалла КУ-би в основном

обусловлена возбуждением ионов иода в первой анионной срере, окружающей ион олова и имеет сложную структуру (состоит из шести полос:  $\mathcal{D}_{\ell} = 267$ ,  $\mathcal{D}_{2} = 255$ ,  $\mathcal{D}_{3} = 240$ ,  $\mathcal{D}_{4} = 227$ ,  $\mathcal{D}_{5} = 221$  и  $\mathcal{D}_{6} = 216$  нм), которая объясняется различным возмущающим влиянием катионной вакансии, а также расщеплением возбужденного состояния иона иода.

4. Предлагается низиотемпературный механизм запасания при Д облучении и высвечивания активаторной светосуммы в кристаллах КУ-Л и КУ-би. Запасание светосуммы связано с возбуждением околоактиваторного иона иода и его последующей релаксацией, сопровождаемой переходом электрона на бликайшие катионы калия или активатора, выполняющие роль ловушек. Фото- и термостимуляция способствуют обратному переходу электронов с ловушек на атом иода, релаксация которого завершается передачей энергии активатору и его свечением.

Практическая значимость. Полученные в работе результаты имеют значение для физики ЩК, а также могут быть использованы при разработке материалов с заданными свойствами, проектировании оптических запоминающих устройств. Исследовалась возможность использования кристалла КУ-Ям для оптической записи информации при низкой температуре. Спектральный состав стимулирующего излучения позволяет в принципе для высвечивания использовать полупроводниковый ИК лазер ИЛПН-2-3 К. Был расчитан квантовый выход активаторного свечения при Д − облучении и ИК-высвечивании и сделан вывод о возможности использования КУ-Ям кристалла в качестве запоминающей среды, а лазера ИЛПН-2-3 К в качестве источника стимулирующего света, при условии увеличения концентрации активатора до 10-2 моль %.

Публикации и вклад автора. Основные результаты и выводы опубликованы в печатных работах. Работы выполнены в соавторстве с Тринклер М.Ф., Плявинь И.К. и Калныньшем А.Э. Автором проведена экспериментальная работа, а интерпретация проведена при совместном обсуждении с Тринклер М.Ф. и Плявинь И.К.

Апробация работы. Материалы диссертационной работы докладывались и обсуждались на XXУ Совещании по люминесценции (Львов, 1978 г.), УІ Всесоюзной конференции по радиационной физике и химии ионных кристаллов (Рига, 1986 г.), Всесоюзным совещании "Люминесценция молекул и кристаллов" (Таллин, 1987 г.), Прибалтийском семинаре по физике ионных кристаллов (Лиелупе, 1984 г.).

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, шести глав, заключения; содержит 181 страницу, в том числе 113 страниц основного текста, 36 рисунков, 1 таблицу и список литературы, насчитывающий 224 наименования.

Глава 2 представляет собой обзор литературы по спектральным свойствам РЦ в ЩГК, включая рассмотрение спектров поглощения, спектров люминесценции однозарядных и двухзарядных РЦ, а также их теоретическое обобщение.

Глава 3 представляет собой обзор литературы по вопросам деректообразования в неактивированных и активированных ШГК.

Глава 4 посвящена описанию методики экспериментов по исследованию спектральных, поляризационных, кинетических свойств люминесценции, а также по исследованию спектральных, поляризационных, временных и температурных характеристик процесса запасания и высвечивания активаторной светосуммы.

В главе 5 приведены экспериментальные результаты по изучению внутрицентровой А -ломинесценции ЦТК, активированных  $P6^{2+}$  и  $Sa^{2+}$  ионами. Делаются выводы относительно проявления эмТ в двухзарядных РЦ и структуры активаторных центров.

В главе 6 приведены данные относительно коротковолнового — поглощения в кристаллах KF, активированных ртутеподобными примесями; исследуется структура D—области кристалла KF—FM—, предлагается интерпретация природы D—полос в KF—FM—.

Глава 7 посвящена исследованию процесса деректообразования в кристаллах КУ-Те и КУ-би. Приведены данные, характеризующие этот процесс: спектральные, поляризационные, временные, температурные свойства оптической вспышки. На основе анализа экспериментальных данных выдвигается ниэкотемпературный механизм деректообразования при Д -облучении.

В заключении приведены основные результаты и выводы и предложены направления дальнейших исследований по обсуждавшимся вопросам.

# 2. СПЕКТРАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА ЩГК, АКТИВИРОВАННЫХ РТУТЕПОДОБНЫМИ ПРИМЕСЯМИ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

#### 2.1. Характеристика свободных ртутеподобных ионов

Объектами исследования в данной работе являются галогениды калия, активированные некоторыми ртутеподобными ионами (In, Tl, Sn, Pb). Основное вещество имеет простую решетку гране-центрированной кубической структуры, активаторы встраиваются в решетку, занимая катионные уэлы. Ртутеподобные активаторы-ионы или атомы металлов, в основном состоянии имеющие электронную конфигурацию S<sup>2</sup>, а в возбужденном — Sp, и получившие свое название из—за сходства электронной конфигурации валентных электронов с атомом ртути.

Квантовый закон векторного сложения моментов двух валентных электронов определяет набор энергетических уровней возбукденного состояния свободного ртутеподобного иона. У легких ионов осуществляется связь Рассел-Саундерса, когда орбитальные моменты валентных электронов складываются в полный орбитальный момент иона 💄 , спиновые - в полный спиновый момент иона 5, а затем С и 5 складываются в полный спиновой момент иона Ј . Энергетические состояния характеризуются квантовыми числами L . S . J . а соответствующие 2S+1 . Свободные ртутеподобные термы обозначаются как ионы характеризуются основным состоянием 15° и нижними возбужденивым состояниями 3Р., 3Р., 3Р., 1Р. . У более тяжелых ионов наблюдается усиление спин-орбитального взаимодействия, что проявляется в увеличении размера триплетного расщепления, однако и в этом случае еще можно использовать

прежние обозначения. Вероятность оптических переходов между указанными уровнями определяют спектры поглощения и люминесценции свободных ртутеподобных ионов. Наиболее вероятным является переход  $S_0 \rightleftharpoons P_1$ . Спин-орбитальное взаимодействие частично снимает запрет правила отбора  $\Delta S = 0$ , поэтому происходят переходы  $S_0 \rightleftharpoons P_1$ . Строгое правило отбора для  $\Delta S_1 = 0$ ,  $\Delta S_2 = 0$ , поэтому происходят переходы  $\Delta S_3 = 0$ , поэтому происходят переходы  $\Delta S_4 = 0$ ,  $\Delta S_5 = 0$ , поэтому происходят переходы  $\Delta S_5 = 0$ , поэтому происходят переходы  $\Delta S_5 = 0$ , и  $\Delta S_5 = 0$ ,

Однозарядные ртутеподобные центры (РЦ) находятся в ближайшем окружении решетки кубической симметрии, в то время как многозарядные, как правило, находятся в близком соседстве с компенсирующей избыточный заряд катионной вакансией  $\mathcal{V}_{c}$ , что понижает симметрию окружения. Анизотропия РЦ обуславливает характерные особенности оптических свойств многозарядных активаторов.

Оптические свойства РЦ в ЩТК интенсивно изучались на протяжении десятилетий, предложены многочисленные теоретические модели, объясняющие экспериментальные данные. Приведем наиболее характерные черты РЦ и их теоретическое объяснение.

# 2.2. Спектры поглощения

Спектры поглощения ЩК, активированных ртутеподобными ионами, обладают характерными полосами, расположенными в области прозрачности чистых неактивированных ЩК. Эти полосы были обозначены в порядке возрастания энергии А, В, С, D = полосами.

# 2.2.1. А, В, С полосы поглощения

Относительно A, B, C — полос в 1938 г. Зейти высказал предположение об их происхождении в результате переходов в ионе активатора, возмущенного кристаллическим окружением 134/. Схема уровней свободного иона остается неизменной, лишь  ${}^3P_2$  уровень испытывает небольное расщепление. В слабом кристаллическом поле кубической симметрии уровни  ${}^4P_1$ ,  ${}^3P_2$ ,  ${}^3P_4$ ,  ${}^3P_6$ ,  ${}^4S_6$  переходят соответственно в уровни  ${}^4P_1$ , наблодаемым полосам в спектре поглощения соответствуют переходы  ${}^4A_{19} \rightarrow {}^3T_{14}$  (A),  ${}^4A_{19} \rightarrow {}^3T_{24}$  (B),  ${}^4A_{19} \rightarrow {}^4T_{14}$  (C)

Дальнейшие исследования показали, что модель Зейтца (которая является моделью в приближении слабого кристаллического поля) можно использовать для описания спектров поглощения как первое приближение. Было обнаружено, что электрон-фононное взаимодействие оказывает существенное влияние на форму спектров поглощения РЦ, обуславливая сложную структуру полос, температурную зависимость их положения, интенсивности и полуширины. Так, С полоса погложения состоит из трех компонентов, как обнаружено в /35 / для КУ-ТЕ ; А -полоса - из двух. что хорошо проявляется для кристаллов, активированных оловом /4/, а В -полоса может иметь до 5 компонентов (у оловянных центров /24,36/. Эти особенности поглощения можно объяснить только при учете динамического взаимодействия активатора с кристаллической решеткой. Отдельные свойства поглошения были удовлетворительно объяснены, принимая во внимание взаимодействие с неполносимметричными относительно иона активатора колебаниями решетки /37-39/. Однако такие эффекты, как расцепление полос поглощения, нельзя интерпретировать без

учета взаимодействия  $S^2$ -иона с неполносимметричными колебаниями решетки, которое проявляется в т.н. эффекте Яна-Теллера (ЭЯТ) /40/.

Ртутеподобный центр из-за сильного взаимодействия с окружающими ионами ведет себя как нелинейная квазимолекула, состоящая из примесного иона и шести анионов-лигандов. Из набора нормальных колебаний квазимолекулы только два типа имеют значение для расщепления орбитально-вырожденного уровня: Ед и

. Физическая сущность ЭПТ состоит в том, что если нелинейная система находится в вырожденном состоянии, то минимум
энергии соответствует не исходной, а более низкой симметрии
кинфигурации системы. После акта возбуждения из-за взаимодействия электрона с решеткой происходит несимметричный сдвиг
равновесных положений ионов, результатом является расщепление
вырожденных состояний, которое приводит к появлению структуры
полос поглощения. Целый ряд работ /5,16,17,41-43/ посвящен
описанию динамического ЭПТ, обуславливающего особенности спектра поглощения РЦ в ЩТК, в частности, для случая интересующего нас активатора Sn / /44-47/.

# 2.2.2. 🔊 - полосы поглощения

Введение ртутеподобных активаторов в ЩК вызывает в спектре поглощения (кроме выпеописанных А, В, С – полос) появление т.н. В –полосы, которая расположена в спектральной области, прилегающей с длинноволновой стороны, а в некоторых системах перекрывающейся, с экситонной полосой поглощения. Впервые В –полоса наблюдалась в кристалле КЗ-ТС /1/, причем на очень близком расстоянии от первого экситонного пика.

Пальнейшие исследования показали, что в области между экситонной и С -полосой поглощения может находится несколько полос. Так, в работе /48/ было обнаружено, что в кристаллах. активированных Рь2+ ионами, проявляется отдельная полоса, обозначенная О' на расстоянии около 1,3 эВ от первого экситонного пика. О и О полосы исследованы в поглощении кристаллов КУ , RbJ , КВг , RbBr , активированных свинцом в работах / 26, 49 /. По две О полосы были обнаружены в кристаляах КJ-Tl, КJ-In, КJ-Ga, КСІ-Tl, KCI-In и по 3 D-полосы в кристаллах КJ-Sn и KCI-Sn / 50-51 /. Затем три D полосы были обнаружены также в КЈ-РЬ / 52 /: в этих работах введено обозначение полос D<sub>4</sub> , D<sub>2</sub> и D<sub>3</sub> в порядке возрастания энергии. Спектр поглощения наиболее интересующего нас кристалла КJ-Sn., из работы / 50 /, приведен на рис. 2.1., на спектре хороно видны А , В , С и З О полосы. Происхождение О -полосы поглощения несомненно связано с присутствием ионов активатора в решетке, однако ее характе-

Происхождение D -полосы поглощения несомненно связано с присутствием ионов активатора в решетке, однако ее характеристики отличаются от свойств активаторных полос поглощения A, B, C. Так, приведенное в работе / 3 / исследование гомологических рядов активированных ДК показало, что положение D -полосы поглощения определяется анионом основания и слабо зависит от активатора (в отличие от активаторных полос поглощения), что позволило подтвердить предположение, сделанное в более ранних работах Лущика с сотр. / 1, 2,53/, о связи обсуждаемой полосы с возбуждением решетки основного вещества в непосредственной близости от активаторного иона.

Относительно модели околоактиваторного возбуждения до настоящего момента нет единого мнения. Еще в 1959 г. Нокс / 54 / предложил 3 возможных варианта состояний, ответствен-

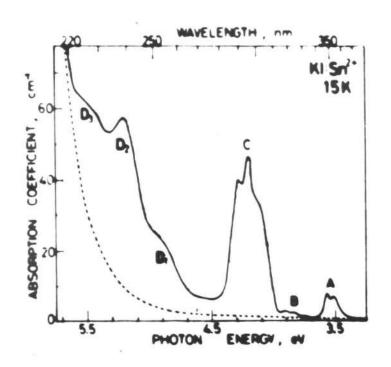


Рис.2.1. Спектр поглощения кристалла  $K \sharp$ -Sic (концентрация  $Sn^{2+}$  5 10 моль $\mathfrak A$ ) при 15 К. Пунктирной линией отмечено поглощение неактивированного кристалла  $K \sharp$  .Из работи / 50/.

ных за D -полосы: 1) более высокие возбужденные состояния, активаторных ионов, 2) перенос электрона от иона галоида на ион щелочного металла, 3) перенос электрона от иона галоида на ион ртутеподобной примеси. Первое предположение было тут же отвергнуто из-за того, что возбужденные конфигурации активаторного иона, отличные от SP , настолько высокоэнергетичны, что не наблюдаются в области прозрачности кристалла. В работе Лущика / 3 / кроме вышеупомянутых, было высказано предположение о возможном происхождении О полосы в результате возбуждения иона галоида вблизи активатора. В дальнейшем, однако, эта работа не получила ширового признания. При обсужпении природы 0 -полосы в более поздних работах конкурировали в основном модели, основанные на 2) и 3) предположениях Нокса, получившие название соответственно "модели активаторного экситона" / 1, 4,8 / и "модели зарядового переноса" 1 18.501.

Появление D -полосы в рамках модели околоактиваторного экситона объясняли в работах /35,48,55,56/, основываясь на близком расположении D и экситонного пика поглощения. Обнаружение D полосы, отстоящей на большом расстоянии от экситонного пика, объяснялось уже как проявление переноса заряда с иона галоида на активатор / 48 /.

С позиций модели зарядового переноса рассматривают все наблюдаемые D -полосы авторы работ работ /25,35,49-54,67 /. В качестве аргумента в пользу модели переноса заряда Тсубой /23 / приводит факт, что две D -полосы проявляются в поглощении  $MX_6$  комплексов не только в ЩК, но и в безводных растворах, тонких пленках, так что совтветствующие переходы не могут быть связаны непосредственно с переходом электрона на

мон щелочного металла. Теоретический расчет был проделан Тсубой и Сакода в /51/. Авторы рассчитали методом молекулярных
орбиталей энергетические уровни квазимолекулы ( TC CC<sub>K</sub> )<sup>5</sup>
в кристалле КСС-ТС (основываясь на переходе (Eg)<sup>4</sup> - (Eg)<sup>3</sup>(t<sub>14</sub>)
от иона С на центральный ион активатора ТС<sup>†</sup> - типа "переноса заряда") и получили теоретическое значение для трех В -полос поглощения, два из которых совпадают с наблюдаемыми в эксперименте значениями, а третья полоса, по их мнению, не наблодается из-за перекрывания с экситонным пиком. Результаты расчета переносятся на другие кристаллы (КСС-Іп ,КСС-Sn,КЭSn,
КЭ-Sn) и делается вывод об общем характере тройной структуры В -полосы, несмотря на то, что у однозарядных активаторов
экспериментально обнаружены лишь два компонента В -полосы.

Известно, что при облучении в Я -области поглощения кристаллов № (особенно интересующих нас), активированных РЦ, происходит возбуждение активаторного излучения и создание светосуммы. Спектры возбуждения активаторного свечения и создания светосуммы содержат характерные полосы, расположенные на длинноволновом спаде экситонной полосы, как показано в работах / 58 - 60 /. Положение таких полос зависит от активатора. У № ТО такая полоса имеет максимум 218 нм (при ТМА), в № 3, активированном другими активаторами, несколько отличается. Трудность интерпретации состояла в том, что в спектре поглощения не было известно полосы с соответствующим максимумом. В ряде работ обсуждаемые полосы сопоставлятись с экситонной полосой в чистом кристалле № 3, а возобуждение активатора объяснялось передачей энергии от чистого экситона к активатору /58-59/, в то время как несовпадение

спектров активаторного возбуждения и поглощения объяснялось потерями в приповерхностном слое. В работе / 6/ / в поглощении тонкого кристалла была обнаружена полоса, совпадающая с полосами в спектрах возбуждения активаторного излучения и спектров создания активаторной светосуммы, и отсутствующая в неактивированном КЈ. Авторами работы был сделан вывод, о том, что эта полоса связана с возбуждением околоактиваторных анионов Ј, возможно, во второй координационной сфере, и была названа 2 полосой поглощения. Такого же мнения придерживается Вале / 60/, считая, что природа обсуждаемых полос обусловлена возбуждением околоактиваторного экситона на дискретном расстоянии от активатора — чем дальше от активатора расположен возбужденный ион иода, тем ближе положение полосы поглощения к экситонной полосе.

В заключение раздела 2.1. посвященного описанию поглощения РЦ в ЩТК, приводится таблица, в которой указано положение полос поглощения кристаллов, использованных в нашей работе.

# 2.3. . Ломинесценция ртутеподобных центров

Люминесценция РЦ — более сложное явлание, чем поглощение и не может быть объяснена, исходя из простого соответствия подобном исмеральных уровней РЦ в ЩК и в свободном ртутейодном поле. Люминесценция РЦ изучается с Зо-х годов, огромное количество экспериментальных и теоретических работ посвящено различным аспектам этого явления; их обобщение представлено в ряде обзоров /5,16,18,28,48,63-69.

Активаторная ломинесценция возникает при возбуждении в А , В , С , D полосах поглодения, причем в каждой

Таблица Положение полос поглощения некоторых активированных ЩТК, использованных в работе

|             |                  | Поло          | Положение полос в |                  | 9B (B HM)  |               |            |               |            | IIO<br>IIO |
|-------------|------------------|---------------|-------------------|------------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|------------|
| Кристалл АІ | $A_{\mathrm{I}}$ | Az            | В                 | $_{ m I_{ m O}}$ | ડે         | တ္            | ΨĪ         | J.E           | ДB         | Agaramban  |
| KZ-TE       | 4,               | 4,38<br>(283) | 5,06              |                  | 5,30       |               |            | 5,53<br>(224) | 5,60       | /32°20/    |
| K3-5n       | 3,52             | 3,57          | 3,85              | 4,14             | 4,21 (295) | 4,28 (290)    | 4,92 (252) | 5,2I<br>(238) | 5,51       | /36,50/    |
| KU-Sh       | 4,29 (289)       | 4,42 (281)    | 4,94              | 5,20 (238)       | 5,35       | 5,5I<br>(225) | 6,77       | 7,I3<br>(174) | 7,42 (167) | /48,50/    |
| KBr-Sn      | 3,97             | 4,08          | 4,49              | 4,75 (261)       | 4,86 (255) | 5,00          | 6,15       | 6,5<br>(I90)  |            | /48/       |
| KQ-PB       | 4,3              | 4,86 (255)    | 5,86              | 6,14 (202)       | 6,23       | 6,33          | 6,53       |               | 7,4 (168)  | /48/       |
| KBr-PB      | 4,5              | 4,16<br>(298) | 5,23              |                  | 5,54 (224) |               | 6,20       | 6,46          |            | /48,50/    |

из них может возбуждаться несколько полос ломинесценции, расположенных в близкой ультрафиолетовой области и видимой части
спектра. При рассмотрении свойств ломинесценции ограничимся
А -излучением, т.е. излучением, возбужданным в А -полосе
поглощения, т.к. оно является наиболее изученным, его интерпретация дает ключ к пониманию других полос излучения, а также наиболее тесно связано с темой данной работы.

Характеристики ломинесценции РЦ различаются в зависимости от иона активатора и соли основания и не укладывается в общую схему. По поведению A -издучения активированные ЩГК, согласно / /8 /, подразделяются на четыре класса.

У типичного представижеля I класса КЗ-ТЕ возбуждение в A -полосе поглощения приводит к появлению двух полос излучения:  $A_{\rm T}$  (330 нм) и  $A_{\rm X}$  (430 нм). При температуре ниже 30 К  $A_{\rm X}$  полоса возбуждается с хорошей эффективностью в основном в D-полосе поглощения, а эффективность возбуждения  $A_{\rm T}$  полосы в любой полосе поглощения падает с повышением температуры, так что при достижении ТЖА наблюдается только полоса  $A_{\rm X}$ .

Тот факт, что длинноволновая A —полоса излучения при ТШ с большей эффективностью возбуждается в D , чем в A — полосе поглощения, привел некоторых авторов /55,69,70 / к мысли, что происхождение полосы связано с излучением околомактиваторного экситона, однако исследование поляризации люми— несценции и ЭПР однозначно связали эту полосу с излучением с нижнего возбужденного состояния РЦ / 7/-73 /. В некоторых работах / /3,72-74 / приводятся сведения о неэлементарности коротковолновой полосы излучения галлиевых центров.

У кристаллов П класса ( КВг-Іп ) две А -полосы лю-

минесценции наблюдаются при любой температуре, тогда как у представителей II класса ( KCl-In , NaCl-In ) - всегда только одна полоса.

К ІУ классу относятся ЩК, активированные двухвалетнными РЦ ( КЗ-Sn., КВг-РЬ ), т.к. катионная вакансия, компенсирующая избыточный катионный заряд активатора, оказывает влияние на особенности ломинесценции.

## 2.3.1. Люминесценция однозарядных РЦ в ЩТК

Рассмотрим сначала свойства однозарядных РЦ; такие центры являются изотропными, что облегчает интерпретацию их свойств. Для объяснения природы возбужденного состояния РЦ важными являются кинетические и поляризационные свойства люминесценции.

В кинетических исследованиях затухания  $A_{\rm T}$  и  $A_{\rm X}$  ломинесценции при импульсном возбуждении в работах Тринклер, Айлингворса, Томуры и др. /65,66,76-80 / было показано, что фотосцинтилляции имеют сложную форму — состоят из быстрого и медленного компонентов (БК и МК), которые характеризуют равновесное и неравновесное испускание в РЦ. При понижении температуры для БК в импульсе люминесценции возрастает, а длительность компонентов характеризуется величинами:  $\tau_{\rm MK} \approx 10^{-7} + 10^{-3} \quad , \tau_{\rm KK} \approx 10^{-8} \quad .$  При достаточно высоких температурах (  $\sim$  200 К и выше) фотосцинтилляции состоят только из МК, что свидетельствует об установлении термического равновесия между возбужденными электронными состояниями центра. Особенности кинетики свидетельствующее возбуждению в  $\Lambda$  —полосе поглощения, имеет сложную структуру, включающую

метастабильный уровень, лежащий под издучательными уровнями. Возбуждение в А -полосе поглощения приводит к непосредственному заселению излучательного состояния, затем происходит установление термического равновесия в распределении населенности между излучательными и метастабильным состояниями. ВК обусловнен излучением до установления термического равновесия, а МК - термически равновесным распределением.

Доминесценция РЦ при условии возбуждения поляризованнам светом является поляризованной при достаточно низких температурах. Поляризационные исследования позволяют судить о сизметрии излучающих РЦ, об их взаимодействии с окружающей решеткой. Методика определения поляризации люминесценции анизотропных центров в кубических кристаллах была предложена Феофиловым в 1953 г. / 81 /, согласно которой ориентация излучателей определяется исходя из азимутальных зависимостей степени поляризации.

Первые работы Тарасовой, Феофилова / 82 / и Клика, Комптона / 83 / по исследованию поляризации излучения РЦ в ЩК появились в 1958 г. Сначала была обнаружена поляризация Ат полосы излучения в талиевых центрах в кристаллах КСС / 83 /, КЗ / 20 /, КВг / /8 / и в индиевых и галиевых центрах в разных основаниях в работах Зазубович, Лущик, Лущик / 4-6, 963 84,85 /. Обсщая приведенные в этих работах данные, поляризационные свойства однозарядных РЦ коротко можно охарактеризовать следующими положениями:

- I. Люминесценция является поляризованной только при температуре нике ТМА.
- 2. В пределах элементарной полосы поглощения степень поляризации возрастает в длинноволновом краю.

- В пределах элементарной полосы излучения при фиксированном возбуждении степень поляризации
   не меняется.
- 4. Азимутальные зависимости степени поляризации А полос излучения свидетельствуют об ориентации соответствующих
  осцилляторов вдоль осей симметрии С<sub>4</sub>, отвечающих излучению с минимумов адиабатической поверхности тетрагональной
  симметрии. Такую поляризацию, а также соответствующие полосы
  излучения, будем называть тетрагональными.
- 5. Азимутальные зависимости степени поляризации полос излучения указывает на ориентацию соответствующих осщилляторов вдоль оси симметрии С3, что соответствует излучению с минимумов адиабатической поверхности тригональной симметрии. Такую поляризацию, а также соответствующие полосы излучения будем называть тригональными.

Результаты поляризационных измерений свидетельствуют о том, что  $A_{\mathsf{T}}$  и  $A_{\mathsf{X}}$  полосы излучения РЦ обусловлены излучением из минимумов адиабатического потенциала нижнего возбужденного состояния соответственно тетрагональной и тригональной симметрии. Это положение подтвердилось также благодаря последованиям ЭГР /21,23,26,27,8%

# 2.3.2. Модель нижнего возбужденного состояния РЦ

Для объяснения свойств А -люминесценции в ЩК - числа полос, поляризации, кинетики - необходимо использовать мо- дель нижнего возбужденного состояния, учитывающую эффект Яна-Теллера (ЭЯТ).

Нижнее возбужденное состояние РЦ - Т - является триплетным, т.е. трижды орбитально вырожденным. Взаимодействие такого состояния с неполносимметричными колебаниями решетки приводит и ЭЛТ, в результате которого симметрия анионного окружения понижается таким образом, что в новой равновесной конфигурации происходит расщепление вырожденного электронного состояния. Энергия нижнего компоненты расщепленного состояния меньше исходной на ян-теллеровскую энергию стабилизации  $\mathbb{E}_{\mathrm{ЯТ}}$ . Равновесным ян-теллеровским искажениям окружения одного типа, направленным вдоль эквивалентных осей симметрии кристалла соответствуют равнозначные минимумы энергии на энергетической поверхности адиабатического потенциала, разделенные потенциальными барьерами.

Под статическим ЭЯТ понимают возникновение стабильных конфигураций системы более низкой симметрии. При высоких температурах система непрерывно переходит из одного минимума в другой, сохраняя в среднем кубическую симметрию, но при низких температурах возможно проявление отдельных минимумов, как в случае поляризованной люминесценции.

Теоретические расчеты Берсукера / 90 / показывают, что актуальными для определения формы энергетической поверхности адиабатического потенциала (ЭПАП) Т -состояния являются взаимодействия оптических электронов с двумя видами неполносимметричных колебаний: продольными двухиратновырожденными

 $\mathcal{E}_{3}$  колебаниями и поперечными трехкратно вырожденными  $\mathcal{T}_{23}$  колебаниями. Тетрагональные искажения центра выражаются через координаты  $\mathcal{E}_{3}$  колебаний, а тригональные — через коодинаты  $\mathcal{T}_{23}$  колебаний.

Рассмотрение ЭНТ в линейном приближении Эпиком и Прайсом / 91 / привело к выводу, что на ЭПАП T -состояния могут существовать либо тетрагональные, либо тригональные минимумы взависимости от соотношения параметров  $\mathcal{E}_3$  и  $\mathcal{T}_{23}$  колеба-

ний. Однако появление экспериментов по изучению поляризации А —излучения и ЭПР привели к необходимости пересмотреть это положение. Тогда в работах Берсукера, Полингера, Ранфани, Баччи и др. /26,30,92 / был проделан расчет ЭПТ с учетом квадратичных членов, который показал, что при определенных соотношениях параметров РЦ на ЭПАП Т— состояния может сосуществовать 3 типа стабильных минимумов: 3 минимума тетрагональной сивметрии, 4 — тригональный и 6 — орторомбической. На рис. 2.2. приведено изображение равновесной конфигурации окружающих анионов, соответствующих упомянутым минимумам / 68 /.

В работах / 30-31 / подчеркивается, что для построения молели излучанцего центра с учетом ЭПТ существенно сравнить величины ян-теллеровской энергии Е ят и энергии спин-орбитального взаимодействия (СОВ) Есов . В случае, если Еят > Есов • то основным для построения модели является взаимодействие оптических электронов с неполносиметричными колебаниями, а СОВ рассматривается как возмущение. Если же Есов Е ят , то за основу модели берется соответствие с уровнями свободного иона, т.е. используется приближение слабого кристаллического поля (модель Зейтца). Оценка величины Едт в разных работах несколько различается: в работах / 27-29 / приводятся оценки величины Е от 10-2 до I эВ. Величина Есов зависит от атомного номера примеси и меняется от 3 .10-4 эВ для ба† /93/до 7 . 10-2 эВ для Tt и Pb2+ / 94-96/. В процессе поглощения, однако, энергия взаимодействия электрона с актуальными колебаниями всегда меньше энергии спин-орбитального взаимодействия, поэтому сохраняется корреляция со структурой уровней свободных S2 ионов, и в основе моделей центра поглощения лежит теория слабого крис-

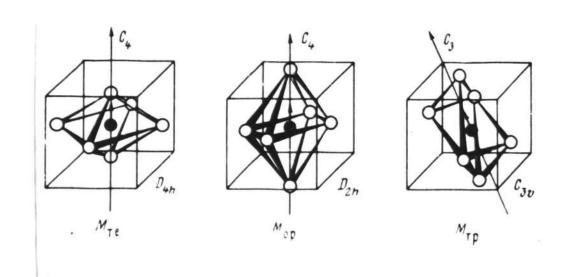


Рис.2.2. Равновесные ян-теллеровские искажения анионного окружения для  ${}^3 T_{IU}$  -состояния у ртутеподобных центров, соответствукаме тетрагональной, орторомбической и тригональной симметрии. Стредками указана ориентация издучаженх осцилаторов.

таллического поля. В процессе колебательной релаксации возбужденных состояний, предвествующем ломинесценции, для легких примесных ионов ( Ga<sup>+</sup>, In<sup>+</sup>, Tl<sup>+</sup>) выполняется условие  $E_{\rm ST} > E_{\rm COB}$ . В таких системах ЗЯТ подавляет орбитальное движение и магнитный момент оптического электрона определяется спином ( S = I для <sup>3</sup>T состояния). Соответствие с уровнями свободного РЦ не сохраняется, такую ситуацию рассматривает теория Хижнякова / 30/.

В основе теории Хижнякова лежит ян-теллеровское взаимодействие, а в качестве возмущения выступают СОВ и сверхтонкое взаимодействие. ЭПТ обуславливает наличие одновременно Т и Х минимумов на ЭПАП Т -состояния каждому ниминимуму соответствует искажение центра вдоль определенной оси третьего или четвертого порядка.

Рассмотрим более подробно А -состояние. Оно является трижды вырожденным по спину. СОВ частично снимает вырождение триплетных минимумов, каждый из которых расцепляется на из-лучательный дублет и метастабильный синглет той же симметрии, что и исходный минимум (тетрагональной или тригональной). Спин направлен перпендикулярно оси орбитального искажения в излучающих минимумах и перпендикулярно в метастабильных минимумах. Излучательные переходы в основное состояние возможны и из метастабильных минимумов, но с гораздо меньшей вероятностью, чем из излучательных. Излучательные переходы направлены перпендикулярно как оси искажения, так и спину.

Между излучательными и лежащими под ними метастабильными минимумами происходят безызлучательные переходы с переориентацией спина. Между разными излучательными минимумами возможны переходы (туннельные или термические через барьер), в ререзультате которых происходит изменение заселенности уровней, сказывающееся на поляризационных свойствах, относительной интенсивности и кинетике излучения.

Относительно тяжелых ионов существует две точки зрения. Хижняков считает / 30 /, что излучение в этих системах можно описать с точки зрения предложенной им теории, а авторы работ / 94-96 / полагают, что для тяжелых ионов сохранается корреляция с уровнями свободного иона. Они рассуждают следуюшим образом. В тяжелих РЦ (  $Te^+$ ,  $P\theta^{2+}$ )  $E_{cor}$  сравнима по величине с (или превышает),  $E_{gT}$  . В таких системах орбитальное движение не подавляется ЭЯТ, и энергия электронных уровней определяется проекцией орбитального момента на полный момент, которому соответствует квантовое число  $\beta = L + S$ В таком случае в процессе релажсации возбужденного состояния сохраняется корреляция со структурой энергетических уровней свободных ионов. Нижнему возбужденному состоянию соответствует 3 Ти состояние и лежащее под ним 3 А 14 состояние (  $^{3}$ Р, и  $^{3}$ Р $_{\circ}$  в свободном ионе). Действие  $^{3}$ П проявляется как наличие двух (или трех) типов минимумов на 7/4 поверхности. На ЭПАП метастабильного ЗА,,, состояния также могут быть минимумы разной симметрии, однако в отличие от модели Хижнякова возможен сдвиг равновесного положения относительно минимумов излучательного состояния / 97 /. На такой основе построены модели ,предложенные Фукудой / 16-19, 98 /, Ранфани 2 26-28, 92 / и пругими авторами / 71,76,79,97,99 /.

# 2.3.3. Ломинесценция двухвалентных РЦ

Рядом с двухвалентным ртутеподобным центром М2+ обычно в непосредственной близости расположена катионная вакансия компенсирующая избыточный положительный заряц. В литературе упоминается два варианта расположения  $v_c$  относительно иона M2+ : I) в первой катионной срере, по направлению кристаллографической оси С2 (nearest neighbour - nn ). образуя ассоциат  $\mathcal{M}^2 v_c$  [IIO] ; 2) во второй катионной срере, по оси С4 (next nearest neighbour - nnn ), образуя М с [001] . Были проделаны многочисленные попытки определить однозначно взаимное положение вакансии и иона примеси, для этого использовались методы поляризованной люминесценции, оптического дихроизма, эффекта Мессбауэра / Исследования поназали, что в ШК, активированных двухзарялными РЦ, возможны ассоциаты обоих типов, однако точное соотношение их количества в конкретной системе установить не представляется возможным, тем более, что термостимулированное движение (перескок) Ус приводит к преобразованию центров из одного типа в другой /101,103/. Теоретический расчет показывает, что энергия связи м2+ V2 примерно одинакова для обоих случаев /106 /. В специально созданных условиях возможно создание м2+ центров кубической симметрии без ассоциированной вакансии / 107-109 /. Оптические свойства кубических центров м2+ принципиально не отличаются от свойств однозарядных РЦ.

Что касается м<sup>2+</sup> с центров, то они отличаются по свойствам от однозарядных РЦ, что ярко проявляется в спентрах ломинесценции и поляризационных свойствах.

Остановимся более подробно на описании свойств ломине-

сценции кристаллов, активированных  $Pb^{2+}$  и  $S_n^{2+}$  ионами, которые послужили объектами исследования данной работы. К моменту начала исследования были известны следующие данные, относящиеся к A -ломинесценции указанных кристаллов.

РЬ тс — центры в кристаллах КСІ и КВг. Были изучены спектральные /3/10-112/94/, кинетические / 111-113 / и поляризационные /94,111-115/ свойства люминесценции КСІ-РЬ, возбуждаемой в А -полосе поглощения в температурном районе 80-300 К, которые показали, что:

- А -люминесценция состоит из двух полос: интенсивной ультрафиолетовой полосы 340 нм, имеющей сложную структуру и слабой полосы 430 нм, наблюдаемой в температурном районе 80 К;
- 2) азимутальная зависимость степени поляризации полосы 340 нм свидетельствует о тетрагональном характере излучения, обе подполосы поляризованы вплоть до комнатной температуры. Зависимость степени поляризации ○ от длины волны возбуждаю щего света \(\lambda\_{\mathbb{B}\mathbb{O}}\) имеет знакопеременный ход: меняется от отрицательного значения в коротковолновом краю А полосы поглощения до положительного значения в длинноволновом краю. Поляризация полосы 430 нм не изучалась;
- 3) фотосцинтилляция полосы 340 нм имеет два компонента БК и МК, фотосцинтилляции полосы 430 нм содержит один компонент, совпадающий по длительности и температурной зависимости с МК коротковолновой полосы (в районе 50-80 К).

Интерпретировалась неэлементарная коротковолновая полоса 340 нм как излучение с нижнего возбужденного состояния  $Pb^{2+}v_c^{-}$  ассоциата, расщепленного из-за присутствия катионной вакансии. Относительно природы длинноволновой полосы 430 нм были разно-гласия. В работе / 116 / ее связывали с излучением кислород-

А -излучение кристалла КВГ-РЬ, изучавшееся в работах /8/06/10/115-118/, по свойствам очень похоже на вышеописанный кристалл КСІ-РЬ, состоит из коротковолновой полосы 360 нм и слабой длинноволновой 480 нм. Было выяснено, что полоса 360 нм имеет тетрагональную поляризацию, относительно неэлементарности данных не было.

Sn² Vc центры в КСІ , КВг , КЈ . Заслуга в изучении этих центров принадлекит в основном Зазубович с сотрудниками 14,6,63,111,1191. Обобщив данные по исследованию А -излучения в кристаллах КСІ-Sn , КВг-Sn , КЗ-Sn , можно прийти к выводу, что оно обладает рядом черт, аналогичных А -излучению Рь²+Vc центров. Излучение, возбуждаемое в А - полосе поглощения, представлено неэлементарной полосой: 476, 500 нм в КСІ-Sn ; 480, 506 в КВг-Sn ; 520, 560 нм в КЗ-Sn , 16,19,1101. Обнаружена поляризация 14,6,10,16,22,111,1101 обоих подполос излучения, причем только тетрагонального типа, т.е. излучающие осцилляторы направлены вдоль оси С4 . Ломинесценция остается поляризованной вплоть до комнатной температуры. Зависимость Р от Характеризуется отрицательными значения—ми в коротковолновом краю А -полосы поглощения и положительными значениями в длинноволновом краю.

Кроме интенсивного A -излучения в кристаллах КВг - Sn и KCI-Sn , наблюдается еще слабая полоса излучения 520 ны

в обоих кристаллах / 107, 109 /.

Ее спектр возбуждения очень напоминает обычную структуру спектра возбуждения РЦ, содержащую A, B, C—полосы, только сдвинут в длинноволновую сторону относительно спектра возбуждения  $S_n^{2+} V_c$  центра. Эти полосы приписывались издучению A— полосы кубических  $S_n^{2+}$  центров.

В кристалле КУ-Sn также была обнаружена слабая длинноволновая полоса (обозначенная R -красная) с максимумом 650 нм. / 120-122 /. Однако не было обнаружено возбуждения R -полосы в области энергии ниже A -полосы поглощения основных центров. Авторы приписали излучение этой полосы бимерам, состоящим из активаторных ионов.

В работах Фукуды / /6-/8 / и Зазубович с сотрудниками / /07,419 / на основе анализа экспериментальных данных был сделан вывод о том, что двухзарядные РЦ независимо от структуры испытывают такое же действие ЭЯТ, как и однозарядные РЦ. Наличие и положение дефекта  $V_c$  мало влияет на общую структуру ЭПАП возбужденного состояния  $M^{2+}$  центров и адекватно описывается теорией Хижнякова. Возмущающее действие катионной вакансии заключается в расщеплении энергетически равноценных минимумов в случае изотропных центров на две группы. Наличие дефекта обуславливает своеобразие люминесценции двухзарядных РЦ: расщепление  $A_T$  полосы излучения, температурную зависимость поляризации, характер поляризационной зависимости от длины волны возбуждения.

#### 3. РАЛИАЦИОННОЕ ДЕРЕКТООЕРАЗОВАНИЕ В ЩТК

Невозможно рассмотреть огромное количество работ, посвященных вопросам деректообразования в ЩТК, поэтому в главе 3 коротко рассмотрим те аспекты этой проблемы, которые связаны с темой нашей работы.

#### 3.1. Деректообразование в неактивированных ЩТК

Создание дефектов в твердом теле при облучении высокоэнергетическими частицами и квантами происходит по двум каналам: в результате действия 1) универсального механизма уптугого смещения атомов из узлов решетки в междоузлия, харак-102 maB, 2) mexaтеризуощегося пороговой энергией смещения низма распада электронных возбуждений на простейшие деректы, для ноторого требуется энергия 10 эВ. В интересурцих нас ШТК перектообразования происходит по 2) механизму, в результате образуются т.н. френкелевские пары деректов: смещенные из узлов в междоузлиях ионы и вакансии на месте регулярных узлов. В ряде работ / 123-125 / показано, что в ШК деректы возникаот в процессе безызлучательного распада экситона и рекомбинации электронов с автолокализованными дырками. Коротко остановимся на рассмотрении распада экситона на радиационные деректы (РД), т.к. этот вопрос связан с темой нашей работы, а также на описании некоторых РД.

— центр — один из наиболее простых РД. Песть катионов, окружающих анионную вакансию  $V_a$ , создают в центре положительный заряд, что способствует захвату электрона. Энергетические уровни — центра в первом приближении описываются системой уровней водородоподобных уровней //26/. Переход

электрона на нижнее возбужденное состояние обуславливает F — полосу поглощения, на более высокие уровни — K , L —полосы поглощения. F —центр — основа для образования целого набора центров окраски. Известны F —центр — анионная вакансия, захватившая два электрона, —центр — анионная вакансия  $\mathcal{C}_{\mathcal{A}}^{\ t}$ , а также агрегатные центры:  $F_2(M)$ ,  $F_3(R)$ ,  $F_4(N)$ , содержащие соответственно по 2,3 и 4 F —центра.

-центр представляет собой молекулярный ион  $X_2$ , расположенный в одном анионном уэле. Слабое взаимодействие электрона с двумя ионами галоида, расположенными в соседних с  $X_2$  узлах, приводит к образованию комплекса из четырех анионов, занимающих три узла вдоль оси  $\begin{bmatrix} 110 \end{bmatrix}$ , и имеющего дырочный характер / 127-129/.

I -центр - междоузельный ион галоида, наиболее стабильное положение которого соответствует центру объема куба, образованного четырымя катионами о четырымя анионами /130-131/.  $H_A$  -центр - H вблизи иона  $Na^{\dagger}$ , присутствующего в ЩТК.

 $\angle$  -центр — анионная вакансия  $\mathcal{D}_a^+$  . Поглощение ионов галогена около  $\mathcal{D}_a^+$  обуславливает т.н.  $\angle$  —полосу поглощения /132-133/.

V—центры— образованы несколькими H—центрами, взаимодействующими между собой благодаря сильной анизотропии нарушения решетки / 134, 135/.  $V_2$ — нейтральный относи тельно решетки линейный молекулярный ион  $X_3$ , занимающий два анионных и один катионный узел,  $V_4$ — ассоциат  $V_2$  с междоузельными ионами галоида и щелочного металла,  $V_6$ — молекулярный ион  $X_2$ , занимающий два анионных узла и ассоци ированный с катионной вакансией.

 $V_{K}$  — центр — автолокализованная дырка, представляет собой молекулярный ион  $X_{L}$ , занимающий два анионных узла,

расположенных по оси [IIO] . Методами ЭГР и ДЭПР было установлено строение V<sub>K</sub> -центров / 135 - 137 /.

Основной причиной появления френкелевских РД в ЩТК является распад экситонов. Впервые экситонный механизм дефектообразования в ЩТК был предложен Витолом / 138 /, Хершем /139 140/ и Пули /141 /. Не вызывает сомнений /142-147/, что в результате распада экситона образуется пара нейтральных дефектов Е-Н , меньше сведений об образовании заряженных дефектов 🛚 🗸 – 🗍 /44.47/. Вежным вопросом является выяснение, на наком этапе редансации экситона возможен его распад с образованием деректов /145 /. В настоящее время считается доказанным /148-151 /. что для дефектообразования наиболее существенным является безызлучательный распад молекулярного автолокализованного экситона (МАЛЭ) в нивейшем триплетном состоянии. Предложено много механизмов образования пар РД при распаде МАЛЭ, их обобщение дано в обзорных статьях /145,148-153/. Интересной представляется классирикация механизмов на основе разделения способов передачи энергии от электронной подсистемы к атомной, названных моделями I) локального нагрева, 2) локального возбуждения /149 /. Обе модели рассматривают электрон-решеточное взаимодействие и отличаются особенностями перевода дырочного компонента экситона в междоузельное положение с образованием центра. Предполагается, что оба типа механизмов сосуществуют, даже в пределах одного кристалиа.

Безызлучательный переход МАЛЭ в основное состояние осуществляется через конфигурацию, представляющую собой F-H пару на минимальном расстоянии. Для дефектообразования кроме процесса распада МАЛЭ на пару РД важным является также аспект выживания в случае разделения компонентов на достаточное расстояние. Показано /145/, что решающим фактором для образо-

вания стабильных пар РД является наличие локальных колебаний. В кристаллах, обладающих локальными колебаниями, стабильные F-H пары образуются при низких температурах (КС, КВ2, С8В2) и наоборот, отсутствие локальных колебаний (КУ, КГ, NaCl, NaB2) приводит к возможности образования стабильных РД только при температурах, обеспечивающих возможность термического движения H- центра от F-центра (150 + 200 К).

Наша работа связана с дефектообразованием в активированном кристалле Ку , поэтому процесс иакопления дефектов в этом кристалле представляет особый интерес. Как уже упоминалось принадлежит к тем кристаллам, в которых при Тыг дефектообразование имеет низкую эффективность /133-154 Оптически созданные экситоны распадаются с образованием -3.1 виден спектр поглощения К , подвергнутого длительному рентгеновскому облучению при ТМГ, в котором проявляются Г полосы, A,  $\beta$  - полосы, обусловленные поглощением ионов галоида около « и F- центров, дублет Н- центра и вирокая полоса, обусловленная V -центром. При ТМА эфективность образования Е, Н пар резко увеличивается. Интересно, что введение примеси, например, Na+, подавляет образование Н пар, что объясняется захватом примесью экситонов, и последующей релаксации возбуждения в виде примесного излучения.

## 3.2. Деректообразование в активированных ЩГК

Наличие примесного дефекта может существенно повлиять на процесс распада на РД. Показано, что такое влияние оказывает

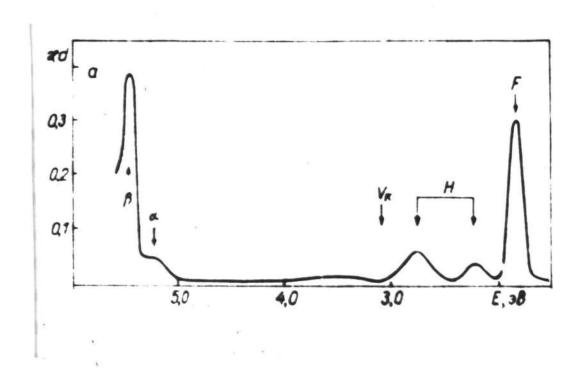


Рис.3.І. Спектр поглощения кристалла К₹, подвергнутого ренттеновскому облучению при 4.2 К в течение 29 часов.Из работи /133/.

как анионные /155, 156/, так и катионные гомологические примеси /154, 168 / в ЩТК. Для нас наибольший интерес представляют ртутеподобные примеси. Ртутеподобные примеси  $A^{+}$  служат эффективными ловушками для электронов и дырок, образуя активаторные центры электронного  $A^{\circ}$  и дырочного  $A^{++}$  характера / 126, 159—162 /. Ионы и атомы примеси взаимодействуют с собственными радиационными дефектами, образуя многообразные сложные ассоциаты.

Наличие ртутеподобных примесей влияет на разные аспекты деректообразования. Захват электронов и дырок на ртутеподобные центры (РЦ) поникает эффективность создания МАЛЭ. Так, в работе /163 / было обнаружено уменьшение эффективности накопления — центров в кристалле КСС, активированного Рб<sup>2+</sup>, Си<sup>+</sup>, Ад<sup>+</sup>, пропорциональное концентрации активатора; когда все активаторные ионы насыщаются электронами и дырками, МАЛЭ образуется более эффективно и число — центров растет быстрее.

Наличие РЦ влияет на место, в котором происходит распад МАЛЭ. В работах Плявинь с сотрудниками /164 - 168 / показано, что с большой эффективностью распад МАЛЭ на пару F-H происходит около A++ центров. Специальное увеличение числа A++ центров в процессе т.н. С -сенсибилизации резко увеличивает эффективность образования РД при распаде МАЛЭ. Согласно этим работам, процесс дефектообразования завершается созданием близких F-A++ пар, обуславливающих рекомбинационную люми- несценцию, в то время как H -центр отходит от РЦ.

В работах /169 - 172 / аналогичные процессы рассматриваются иначе. Предполагается, что распад экситона происходит около А<sup>†</sup> центра, F - центр остается на месте, а H -центр диффундирует по решетие, пока не встретит другой  $A^+$  центр и ионизирует его, превратив в  $A^{2+}$  центр, и в этом случае образуются  $F - A^{2+}$  пары, но не близкие, а разделенные на большие расстояния.

Эффект преимущественной локализации электронных возбухдений и распада МАЛЭ возле активаторного центра подтверждают работы Нагли с сотр. /173-177/, в которых показано, что в  $\mathcal{KCC}$ , активированном  $\mathcal{TC}^+$  и  $\mathcal{PC}^{2+}$  ионами, кроме  $\mathcal{F}$ - $\mathcal{A}^{2+}$  пар дефектов, образуются также генетически связанные  $\mathcal{F}$ - $\mathcal{A}^+$  пары.

Но этими аспектами влияние активатора на процесс дефектообразования в ШК не ограничивается, наличие активатора может принципиально изменить этот процесс. Особый интерес в связи с материалом диссертации представляют процессы деректообразования и запасания светосуммы под влиянием светового обдучения из спектральной области менее энергетической, чем полоса анионного экситона. В этих процессах свет поглощается в области ближайшего окружения активатора. Релаксация возбужленного околоактиваторного участка может закончиться свечением активатора, околоактиваторного экситона или образованием стабильных при достаточно низких температурах дефектов решетки вблизи активатора. Возможности и факты подобного низкознергетического образования собственных дефектов решетки под влиянием примесей в настоящий момент мало исследованы как в теоретическом, так и в экспериментальном плане. Рассмотрим известные литературные данные по этому вопросу.

Особый интерес представляют работы /145,146/, в которых проведено комплексное исследование низкотемпературных процессов дефектообразования и создания стимулированной люминесценции в кристалле КСС-ТС при возбуждении в районе  $\emptyset$  - полос поглещения. При 4.2 К были измерены спектры создания

и стимуляции активаторной стимулированной люминесценции. а также исследовани процессы термовысвечивания и отжига пебектов и установлено, что оптически стимулированная люминеспенция наиболее эффективно запасается в високоэнергетической подполосе 🔊 -поглощения, а спектр стимуляции состоит из ряда полос, которые были сопоставлены с полосами поглощения F и Te° центров. О процессах дефектообразования сделанн следующие выводы: околоактиваторное возбуждение может привести либо I) к созданию пар  $Te^{\circ}$  ,  $Te^{2t}$  в результате распада возбуждения на электрон и дырку, либо 2)к распаду околожитиваторного молекулярного возбуждения на нары дебектов F . H или  $\ll$  . I . В данной диссертации провелены исследования кристаллов K3-TC и K3-Sn . экспериментально и идейно близкие к рассмотренным работам /145. 146/. Однако, как будет показано ниже, на основе исследований указанных кристаллов был сделан вывод о другом механизме низкотемпературного дефектообразования, ответственного за запасание и висвечивание светосумым при низких температурах в этих кристаллах.

Рассмотрение вопросов о свойствах и последствиях околоактиваторного возбуждения следует самым тесным образом связывать с индупированным изменением энергетических состояний околопримесных ионов.

Физической основой низкоэнергетических радиационных процессов является возникновение локальных (лежащих в запрещенной зоне) и квазилокальных (лежащих в зоне проводимости или валентной зоне) уровней основного электронного состояния у катионов или анионов ближайшего окружения источника возмущения. Первой теоретической работой, посвященной расчетам таких уровней, является работа Кристофеля для кристалла КСС-ТС /148/. В работе установлено, что околоактиваторные анионы благодаря особенностям внутренней электронной структуры иона ТС могут иметь как локальные уровни, лежащие над валентной зоной, так и квазилокальные, расположенные внутри этой зоны.

Более сильное влияние на окружение оказывают заряженные относительно решетки деректы — двухзарядные примеси и вакансии. Расчеты для системы КСС-ЕСС+, где активатор располагается в паре с катионной вакансией вдоль кристаллической оси второго порядка, проделаны в /179/ методом МО ЛКАО в двухзонном приближении с учетом взаимодействия ион решетки — активаторный диполь и искажения решетки. Одно из проявлений взаимодействия — появление локальных уровней в запрещенной зоне. Установлено также, что на дырочный локальный уровень оказывают влияние интегралы перекрывания волновых функций примеси и соседних ионов. Основные уровни примеси расположены под валентной зоной, существование же локальных уровней под зоной проводимости зависит от того, насколько близко к валентной зоне расположена система одноэлектронных состояний примеси.

Для активаторных центров O и  $O-v_a^+$ , в KCL и LiF, которые в электростатическом смысле можно считать обратными диполям  $Eu^{2+}-v_c^-$ , получены теоретические расчеты энергетических состояний окружения самосогласованным методом Хартри-Фока-Рутана с использованием модели кластера /180/. Подобные расчеты сделаны также для кристаллов с примесью марганца /181/. Общие черты расчетов для указанных систем — наличие квазилокальных уровней в валентной зоне и зоне проводимости, причем примесные уровни расположены в запрещенной зоне. Возмущение имеет значительную величину в двух ближайших коорди-

национных сферах.

В ряде работ получены экспериментальные подтверждения существования локальных и квазилокальных уровней у ионов, окружающих активатор. Особый интерес представляют работы, в которых обнаружено образование  $V_K$  —центров при оптическом низкоэнергетическом возбуждении кристаллов, содержащих двухзарядные активаторные ионы. Подобное образование  $V_K$  —центров наблюдалось в присутствии двухзарядных ртутеподобных активаторных центров ( $Te^{2t}$ ,  $Te^{2t}$ ,  $Ge^{2t}$ ) /182—184/. В работах /185,186/ методом ЭПР при оптическом облучении некоторых ПТК, активированных  $Ag^*$ , —также были обнаружены  $V_K$  —центры наряду с  $Ag^*$ .

Объяснение делокализации дырки с двухэарядных ионов дано в работе /184/, где приводятся результаты расчета основных состояний ионов хлора — при положении в первой анионной координационной сфере им соответствуют локальные уровни под валентной зоной, во второй сфере — квазилокальные уровни, лежащие в зоне. Переход электрона с квазилокальных уровней на незанятый основной уровень  $Te^{2+}$  приводит к разрушению этого центра и автоионизации дырки с иона хлора и последующему образованию  $V_{K}$  —центра, расположенного вблизи активатора. Обнаружить возмущающее влияние активатора на  $V_{K}$ , свидетельствующее об их близком расположении, можно из анализа излучения, сопровождающего стимуляцию в —полосе поглощения, и представляющее собой свечение околоактиваторного экситона.

В рассмотренных работах образование  $V_{k}$  -центров вблизи активатора связывается с существованием квазилокальных состояний в валентной зоне. Однако очень мало работ посвящено вопросу о низкоэнергетическом оптическом создании дефектов в системах, где существуют локальные уровни в запрещенной зоне, относящиеся к ионам, окружающим активатор. В этом аспекте

необходимо отметить работу /187 / по изучению КСС-ЕЦ методом термостимуляции, где высказывается мысль о бестсковом запасании светосуммы при низких температурах на локальных уровнях.

#### 3.3. Рекомбинационная люминесценция ЩК

В предыдущих разделах 3 главы было показано, что распад МАЛЭ приводит и образованию дефектов в ЩТК. Рентгено, термо-, фото- стимуляция способствует рекомбинации имеющихся дефектов с электронами и дырками сопровождающейся люминесценцией, про-исходит т.н. рекомбинационная люминесценция. В зависимости от типа носителей заряда, освобождающихся в результате стимуляции, различают электронную и дырочную рекомбинационные люминесценции. Рекомбинационная люминесценция интересует нас, пото-му что ее анализ помогает делать выводы относительно характера и взаимного расположения дефектов, обусловивших ее появление.

В неактивированных ЩК после воздействия облучения, вызвавшего появление РД, наблюдается рекомбинационная люминесценция как дырочного, так и электронного характера.

К электронному типу рекомбинационной люминесценции относится т.н. собственная люминесценция, наблюдается при низких температурах. Она обусловлена рекомбинацией электронов проводимости с автолокализованными дырками У<sub>К</sub> в регулярных узлах / 127 , 128 , 129 /, в интересурщем нас кристалле КУ такая люминесценция обуславливает появление полос излучения 300 и 375 нм с б и Т поляризацией / 154, 188 , 189 /. Электронный характер имеет люминесценция, возникающая при разрушении I -центров и рекомбинации освободивиегося электрона  $c \neq -$  центрами / 190 /, а также рекомбинация электронов  $c \neq -$  центрами / 191 /.

Дырочная рекомбинационная люминесценция возникает при рекомбинации дырок, создаваемых зонным возбуждением, с F — центрами /192, 193 /, а также при термическом разрушении дырочных центров: H , H<sub>A</sub> , V<sub>K</sub> , V<sub>E</sub> , V<sub>K</sub> A . Спектральный состав излучения соответствует & —излучению / 194, 196 /-

Термостимулированная рекомбинационная люминесценция кристала Ку известна в основном для случая предварительного рентгеновского и у облучения / 133, 196, 197 /.

При более низких температурах рекомбинационная люминесценция имеет электронный характер, при более высоких – дырочный. Термопики 98 и 115 к обусловлены освобождением электронов с ловушек, связанных с ОН и Мо центрами, и их рекомбинацией с V и V в Термопик 154 к связан с разрушением F -центра и рекомбинацией электрона с V нентром. В пике 190 к разрушаются V — центры, обуславливающие дырочную рекомбинацию с Г —центрами. Более высокотемпературные пики связаны с разрушением различных V —центров, обусловленных междоузельными галоидными ионами и их рекомбинацией с Г —центрами.

В активированном ЩТК, помимо рекомбинации собственных дефектов, возможна рекомбинация с участием примесных дефектов. Такая рекомбинационная люминесценция также может иметь как дырочный, так и электронный характер.

К дырочному типу относится рекомбинационная ломинесценция в парах  $A^{\circ} - V_{K}$ , в работах / 198, 199 / подчеркивается ее туннельный характер. В работах / 200, 201 / показано, что спектральный состав ломинесценции зависит от степени релаксации дырки в кристалле KC-Sh.

Анализ фотовствини дает возможность судить о распределении по объему кристалла деректов — партнеров ФРЛ. В качестве примера такого исследования ФРЛ можно привести работы / 164 — 168, 202, 203, 204 /. в которых на основе анализа F —вспышки делается вывод о парном, т.е. близком, распределении центров после распада МАЛЭ.

Что касается Г-А пар, то в работах / 173 - 177 / показано на основе анализа ФРЛ в стационарном и импульсном режиме, что их составные деректы образуются на разных расстояниях друг от друга. Близкие пары появляются в коротком компоненте при импульсном возбуждении, а некоррелированные деректы - при стационарном.

Электронная и дырочная рекомбинационная люминесценция активированных ЩК наблюдается при термической стимуляции (ТСЛ). В литературе нед данных, касающихся ТСЛ интересующего нас кристалла КУ-Sn, поэтому остановимся на рассмотрении КУ, активированного другими примесями, а также ра рассмотрении кристалла КС, активированного Sh<sup>2+</sup>ионами.

В ТСЛ КУ-TС, рентгенизированного при 90 К / 205, 206 / помимо пиков, обусловленных собственными дефектами и загрязнениями (98 К – 0, IIO К –  $V_{\rm K}$ , II5 К-N $\alpha^+$ ), I54 К – F ),

содержатся пики I75 и 240 К, обусловленные разрушением  $Te^{\circ}$  и

активаторных центров, ответственные за электронную рекомбинационную люминесценцию. Термопик 310 К связывается с термическим разрушением  $T\ell^{2+}$ -центра и туннельной рекомбинацией 
освободившейся дырки с F-центром. Самый высокотемпературный 
пик 360 К обусловлен разрушением  $V_2$  центра и рекомбинацией 
дырки с F-центром.

ТСЛ кристалла KCL-Sn, рентгенизированного при ТЖА, описана в ряде работ / 200,201,207/. Спектр ТСЛ содержит целый ряд пиков, замечено, что при температурах разрушения дырочных пиков доминирует излучение в красной области спектра, а на электронной стадии — активаторное излучение, возникающее при рекомбинации  $Sn^3v_c^-$  центров с освобождающимися электронами.

Таким образом, из анализа литературных данных видно, что к началу нашей работы в области исследования внутрицентровой ломинесценции картина была неполной: относительно однозарядных РЦ было известно спектральное проявление ЭПТ в виде появления полос  $A_T$  и  $A_X$  излучения, обладающих соответственно тетрагональной и тригональной поляризацией, в то время как у двухзарядных РЦ (  $Pb^{2+}$ ,  $Sh^{2+}$ ) было известно только  $A_T$  -излучение тетрагонального характера, расщепленное на две подполосы изза возмущающего влияния катионной вакансии. Не решенным до конца оставался также вопрос о положении катионной вакансии относительно двухзарядного активаторного иона в разных кристаллах. Для того, чтобы выяснить, имеет ли излучение  $A_T$  и  $A_X$  полос универсальный характер, и каково положение  $\mathcal{V}_C$ , нами были поставлены следующие задачи:

I. Провести поиск и исследование  $A_X$  полос с тригональной поляризацией, относящихся к излучению нижнего возбужден-

ного состояния двухзарядных РЦ.

2. На основе спектральных и поляризационных исследований ломинесценции активированных ЩК, определить положение катионной вакансии относительно двухзарядного активаторного иона.

Анализируя данные по поглощению РЦ в ЩТК, можно заметить, ито наибольший интерес представляет —область. Для двухзарядных РЦ число —полос достигло трех. В то же время их интерпретация до последнего времени не является единодушной. Так как процессы, возбуждаемые в —области, самым тесным образом связаны с преобразованием энергии в непосредственной близости от активаторного иона и в некоторых случаях завершается активаторным свечением, то структура —области и ее интерпретация представляют интерес с точки зрения создания общего представления о внутрицентровом и околоцентровом возбуждении излучения двухзарядных активаторных центров. В связи с этим нами были поставлены задачи:

- 3. Провести поиск коротковолновых полос в -области поглощения кристаллов , активированных ртутеподобными ионами.
- 4. Определить число полос в —области кристалла и исследовать их свойства с целью уточнения интерпретации.

Процессу дефектообразования в неактивированных и активированных ШТК посвящено очень большое количество работ. Однако
можно заметить, что в большинстве работ рассматриваются кристаллы, подвергнутые жесткому облучению, приводящему к созданию
большого количества как собственных, так и примесных дефектов.
Однако механизм дефектообразования при облучении в районе
низких температур, оставался неясным. Поэтому были поставлены
задачи:

5. Провести исследование процесса запасания и высвечивания активаторной люминесценции при —облучении в кристалле

 Sh при низких температурах.
 Связать процесс запасания и высвечивания активаторной светосумы с адекватными механизмам дефектообразования, происходящим при околоактиваторном возбуждении при низких температурах.

# 4. ОБЪЕКТЫ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

#### 4.1. Объекты исследования

Кристаллы выкаливались парадлельно граням (100) в виде пластинок толщиной I,0 + I,5 мм для люминесцентных измерений, и толщиной 0,15 + 0,30 мм для измерения поглощения. Перед проведением экспериментов кристаллы закаливались путем выдерживания при температуре 600 С в течение 30 мин. и последующего быстрого охлаждения до комнатной температуры.

## 4.2. Криостат и измерение температуры

Исследуемый кристалл помещался в криостат Глуховского производства, позволяющий поддерживать температуру 10 К при заливке жидкого гелия (ТМГ) или 80 К при заливке жидкого азота (ТМА), Криостат снабжен тремя кварцевыми окнами, позволяющими проводить оптические измерения в ультрафиолетовой области до 200 нм. Размеры и форма криостата таковы, что его можно помещать в спектрофотометр "Specord UV VIS".

При исследовании термостимулированной люминесценции в криостат вставлялся электрический нагреватель, (спираль в кварцевой трубке), позволяющий повышать температуру в линейном режиме от 10 до 350 К.

Температура кристалла измерялась при помощи угольного сопротивления, вмонтированный в кристаллодержатель в непосредственной близости от кристадла или при помощи термопары медь--константан, один из спаев которой касался поверхности кристалла.

#### 4.3. Методика измерения спектров поглощения

Спектры поглащения активированных ЩК измерялись на спектрофотометре " Specord UV VIS ". В случае необходимости измерений при низких температурах в спектрофотометр помещался криостат с установленным в нем кристаллом, позволяющим подедерживать стабильную температуру ТЖА или ТЖГ в течение измерения.

Измерения спектров поглощения проводились в обычном режиме, не требующем специального описания. Однако измерение спектров поглощения в районе экситонного пика кристаллов КУ, активированных примесями (213 нм при ТЖА, 211 нм при ТЖГ) с целью поиска полос, связанных с присутствием активатора, потребовало использования необычного режима работы прибора.

Своеобразие метода заключается в использовании сильно отличающихся по размеру диафрагм, установленных в основном и опорном лучах прибора: диаметр отверстия диафрагмы в основном ном луче 4 мм, а в опорном — 0,4 мм. Измеренные в таком режиме спектры поглощения сильно искажены, однако даст возможность выявить наличие и спектральное положение искомых полос. Оптическая плотность отображается нелинейно и неравномерно по спектру. Коэффициент поглощения в более коротковолновой об-

ласти отображается более заниженным по сравнению с длинноволновым районом. Это обстоятельство улучшает возможность одновременного наблюдения максимумов экситонной полосы и полос, обусловленных активатором, невозможное в нормальном режиме из-за большой разницы в величине оптической плотности этих полос.

#### 4.4. Методика измерения спектров излучения и возбуждения

Кристаля в криостате располагался сколотой гранью перпендикулярно направлению возбуждающего света, причем одна из кристаллографических осей  $C_4$  этого кристалла ориентирована вертикально.

При измерении спектров ломинесценции и возбуждения в стационарном режиме в качестве источника возбуждающего света использовалась ксеноновая лампа ДК ш -200 или дейтериевая дампа Л.Д. 400. Возбухдающий свет проходил через монохроматор MAP-2 и систему фокусирующих лина, а затем попадал на кристалл, помещенный в криостат. Ломинесценция активированного кристалла регистрировалась под прямым углом к возбуждающему свету. Для анализа спектрального состава ломинесценции использовался монохроматор SP/Y- 2 (производства " Carl Ze/SS"). а для выделения определенного спектрального района - набор стеклянных оптических или интерференционных фильтров. Регистрировалась люминесценция при помощи фотоэлектронных умножителей Фау-39, Фау-100 и охлаждаемого Фау-83, перекрывающих спектральный район 300 + 1000 нм. Сигнал с ФЭУ поступал на компенсационный самописец К 201 ("Carl Zeiss"), имеющий устройство для сопряжения мотора с монохроматором SPM -2.

При исследовании спектров люминесценции и возбуждения

в импульсном режиме в качестве источника использовалась импульсная исеноновая лампа ИСШ-500, а регистрация проводилась при помощи ФЗУ-39, сигнал с которого поступал на запоминающий осщиллограф.

Спектры люминесценции регистрировалсиь как изменение интенсивности сигнала при изменении длины волны люминесценции при финсированной длине волны возбуждающего света, а спектры возбуждения — как изменение интенсивности сигнала при вариации длины волны возбуждающего света при фиксированном районе излучения.

#### 4.5. Методика поляризационных измерений

Для изучения поляризационных свойств используется установка, аналогичная установке для измерения спектральных свойств, только дополненная поляризаторами. Для получения поляризованного возбуждающего света на пути луча устанавливался поляризатор-призма Глана или стопа кварцевых пластин. Для анализа поляризации люминесцентного луча использовался поляризатор на основе поляризационной пленки. При проведении поляризационных измерений геометрия установки изменялась: ломинесценция регистрировалась "напросвет" для того, чтобы можно было варьировать значение азимутального угла  $\mathscr{A}$  . Азимутальный угол  $\mathscr{A}$  - угол между направлением электрического вектора линейно полиризованного возбуждающего света и кристаллографическим направлением 1001 . При изучении поляризационных свойств при значении азимутального угла  $\mathcal{A} = 0^{\circ}$  можно проводить регистрацию люминесценции под прямым углом к направлению возбуждающего света.

Поляризация тетрагональных и тригональных полос излучения отличается характером азимутальной зависимости P от угла  $\prec$  .

Издучению из тетрагонального минимума соответствует ориентация издучающего осщилятора вдоль оси  $C_{4}$ , поэтому степень поляризации P майсимальна при  $A = 0^{0}$  и  $A = 90^{0}$  и равна 0 при  $A = 45^{0}$ . Издучению тригональной полосы, с ориентацией издучающего осщиллятора вдоль оси  $C_{3}$ , отвечает такой ход азимутальной зависимости, когда P максимальна при  $A = 45^{0}$  и P = 0 при  $A = 0^{0}$ , 90°. Если в издучении подполосы разного типа перекрываются, то азимутальная зависимость имеет более слояный вид.

Поляризационные спектры, т.е. зависимости степени поляризации излучения Р от длины волны возбуждающего или издучающего света определялись путем сравнения интенсивности двух световых потоков излучения, поляризованных во взаимно перпендикулярных направлениях. Степень поляризации определялась по формуле:

$$\rho = \frac{I_{ll} - I_{\perp}}{I_{ll} + I_{\perp}},$$

где I, и  $I_L$  - интенсивность издучения, поляризованного параллельно и перпендикулярно направлению электрического вектора линейно поляризованного возбуждающего света.

# 4.6. Методика измерения фотостимулированной ломинесценции

При измерении характеристик фотостинулированной ломинесценции ФСЛ запасание дефектов производилось облучением кристалла в области поглощения околоактиваторного экситона при помощи лампы ЛДД-400, нужный район облучения выбирался при помощи монохроматора МДР-2. Стимуляция свечения осуществляпри помощи набора оптических фильтров или монохроматора SPM
2. Между кристаллом и источником стимулирующего света помещался фотозатвор, дающий возможность быстро перекрывать поток ИК
света. При измерениях зависимости характеристик ФСЛ от интенсивности стимулирующего света использовался набор сеток с калиброванным пропусканием.

Облучение УФ светом и высвечивание ИК светом осуществлялось по одной оптической оси навстречу друг другу.

Эксперименти по исследованию ФСЛ проводились следующим образом. В течение некоторого времени (порядка десятка секунд) кристалл облучался УФ светом из спектрального района поглощения околоактиваторного экситона. При этом в кристалле создавались дефекты — происходило запасание светосумым. Затем кристалл подвергался облучению стимулирующим светом — происходила рекомбинация запасенных центров, сопровождающееся излучением кристалла. При стационарном режиме стимуляции ФСЛ регистрируется в виде затухающей во времени кривой (регистрируемой на самописце), и называется вспышкой. Запасание и высвечивание вспышки проводилось при неизменной температуре.

ФСЛ характеризуется спектрами создания, стимуляции и ломинесценции. Какдая точка этих спектров получена в результате проведения одного акта запасания — высвечивания светосуммы при регистрации начальной амплитуды вспыски. Следующий акт запасания—высвечивания светосумым проводился только после окончательного высвечивания предыдущей вспыски. Для получения спектров создания, стимуляции, стимулированной люминесценции варьировали один из параметров: Зозб. . Зап. . и Л. . соответственно, при неизменных прочих параметрах и условиях эксперимента. В спектры, характеризующие ФСЛ, внесены поправки

на спектральный состав УФ и ИК источников света, дисперсио монохроматора, чувствительность ФЭУ.

## 4.7. Методика измерения поляризационных свойств ФСЛ

На рис. 4.1. изображена схема для поляризационных исследований ФСЛ. Ранее описанная установка дополнялась тремя поляризаторами: на пути возбуждающего света — П, (стопа кварцевых пластин), на пути стимулирующего света — П, (призма
Арренса) и перед регистрирующим ФЭУ — П, (поляризационная
пленка). Углы между вертикалью и направлением электрического
вектора поляризованного света в каналах возбуждения, стимуляции и регистрации обозначены Ф, В, у, соответственно.

При исследовании поляризационных свойств ФСЛ нами обнаружено явление, названное поляризационным выбросом — ПВ. ПВ
возникает в виде выброса на затухающей кривой вспышки, если
после высвечивания в течение некоторого времени (порядка 10—
20 сек) при определенном фиксированном положении поляризаторов поляризатор № на короткое время (порядка 1—3 сек)
повернуть на 90°. Исследование зависимости ПВ от взаимных
положений трех поляризаторов позволяет судить о поляризационных свойствах центров, обуславливающих процесс ФСЛ. Схематические изображение ПВ: приведено на вставке рис. 7.4.

Для того, чтобы исследовать поляризацию ФСЛ для азимутальных углов, отличных от 0° (или 90°), необходимо было регистрировать излучение "напросвет", для этого в канал возбуждения после окончания облучения кристалла УФ светом помецалось металлическое зеркало, направляющее поток излучения кристалла на ФЭУ, который в таком случае находился в положениий. Во всех остальных случаях использовалось положение

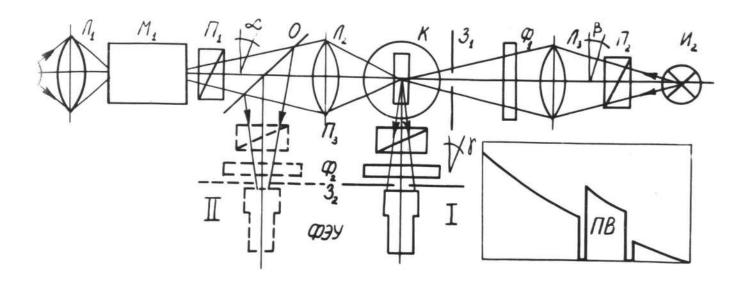


Рис. 4. 1. Схема экспериментальной установки для иссладования спектров стимуляции, спектров стимулированной лиминесценции и поляризационных свойств стимулированной лиминесценции.

М<sub>4</sub> -источник УФ изл чения-ламиа ДД(Д)-400; М<sub>2</sub> - источник стимулирующего света-лемиа накаливания, 
Λ -линан; З -затворы; Ф -ймльтры; С - зеркало; Л -полярызаторы; М -монокроматор 
МДР-2; К -кристали в криостате. І -регистрация лиминесценции под углом 90° к стимулирующему 
свету, ІІ -регистрация "напросвет". На вставке 
скематически изображен поляризационный вайрос. регистраруемый самошисцем.

way I.

# 4.8. Методика измерения термостимулированной люминесценции

Термостимулированная ломинесценция (ТСЛ) исследовалась при постоянной скорости нагрева 8 град/мин в температурной области от IO до 350 К. Для каждого термопика измерялись спектральный состав и спектр создания, а также параметры соответствующей термопику фотостимулированной ломинесценции: спектры создания и стимуляции, спектральный состав оптической вспышки, время затухания Е и зависимость С от интенсивности стимулирующего света, а также поляризационные свойства фотовспьянки. Для того, чтобы исследовать свойства ломинесценции каждого термопика, проводилась следующая операция: предварительно облученный при 80 К кристалл нагревался до температуты, при которой разрушались все термопики кроме самого высокотемпературного, затем охлаждаяся до 80 К и подвергаяся исследованию. Наблюдаемые при этом свойства приписывались самому высокотемпературному пику. Затем повторялось облучение кристалла при 80 К и проводинось его нагревание до такой температуры, при которой сохранялся более низкотемпературный пик; следовало оклаждение до 80 К и исследование свойств стимулированного свечения. Наблюдаемые свойства обуславливались уже вумя высокотемпературными пиками; но зная из предыдущего опыта свойства самого высокотемпературного пика, можно было судить о свойствах другого пика. Подобные процедуры повторялись до тех пор, пока не были исчерпаны все термопики.

Исследование свойств ФСЛ, соответствующей каждому термошку, проводилось в соответствии с вынеописанной методикой проведения исследования ФСЛ в разделах 4.6 и 4.7.

# 5. ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИЗЛУЧЕНИЯ $M^{2+}_{\zeta}$ -ЦЕНТРОВ В ЩТК ПРИ АКТИВАТОРНОМ ВОЗБУЖДЕНИИ

Как уже упоминалось в гл. 2, двухзарядный активатор  $M^{2,+}$ в ШК без специальной дополнительной обработки ассоциирован с катионной вакансией 🗸 - компенсирующей избыточный положительный заряд. Однозначно определить положение V - относительно м2+ не представлялось возможным, оптические свойства, проявление необдученными ШТК с двухзарядными активаторами, приписывались М2+ - центрам без уточнения структуры. Такой же подход лежал в основе наших ранних работ/208-212/, в которых основные интенсивные полосы в спектрах издучения и возбуждения сопоставлялись с  $M^{2t}$  - центрами (из поляризационных данных, однако, следовало, что более вероятно расположение 🎸 вдоль оси  $\mathcal{C}_2$  ), а отдельные более слабые полосы объяснялись присутствием М2+ центров без вакансии. В более поздних работах/2/3-2/5/ внимание было обращено на длинноволновую часть спектров излучения кристаллов, активированных оловом. Свойства обнаруженных в этой области полос излучения в сочетании с ранее известными данными поэволили разделить ассоциаты Ме+V двух типов по оптическим проявлениям. Для какдого типа характерны свои полосы возбукдения и излучения. Более интенсивные и более высокоэнергетические принадлежат  $M^2 \sqrt{110}$  центрам, в которых  $\sqrt{c}$  рас-и низкоэнергетические  $M^{3+}V_c^-$  [001] центрам, в которых  $V_c^-$  находится во второй катионной сфере по оси  $C_4$  . Остановимся подробнее на рассмотрении оптических свойств двух типов ассоциатов в исследованных нами ШК.

**5.1.** Оптические свойства  $M^{2+}_{V_C}$  [110] центров **5.1.1.**  $Pb^{2+}_{V_C}$  [110] центры в кристаллах KCL-Pb и KBr-Pb

С целью уточнения структуры внутрицентрового излучения и выяснения его природы проводилось исследование спектров излучения и возбуждения, поляризационных и кинетических свойств кристаллов КСС-РЫ/20820/м КВг - РЫ/20,21// при низких температурах. На рис. 5.1. приведен спектр излучения кристалла КСС-РЬ, возбуждаемый в А -полосе поглощения при температуре 80 и 8 К, представленный двумя полосами: коротковолновой полосой 340 нм и длинноволновой - 420 нм. (Кроме того, есть ноложения максимума полосы 340 нм от длины волны возбуждения свидетельствует об ее неэлементарности. Интенсивность длинноволновой полосы излучения 420 нм больше при 80 К, чем при 8 К, положение ее максимума постоянно при возбуждении в любом месте в пределах А -полосы поглощения, что говорит в пользу ее элементарности.

Спектры возбуждения А -люминесценции при выделении разных спектральных районов даны на рис. 5.2, из которых видно, что возбуждение обоих полос лежит в пределах А -полосы поглощения. Приподнятые склоны полосы возбуждения полосы 420 нм обусловлены влиянием полосы 405 нм. Спектры возбуждения не совпадают для разных спектральных районов УФ полосы люминесценции: длинноволновой области полосы соответствует более длинноволновое возбуждение. Обращает на себя внимание провал в районе 270 нм во всех спектрах возбуждения — он обусловлен несложной структурой полосы, а тем обстоятельством, что при наблюдении люминесценции под углом 90° к направлению возбуждеждего света

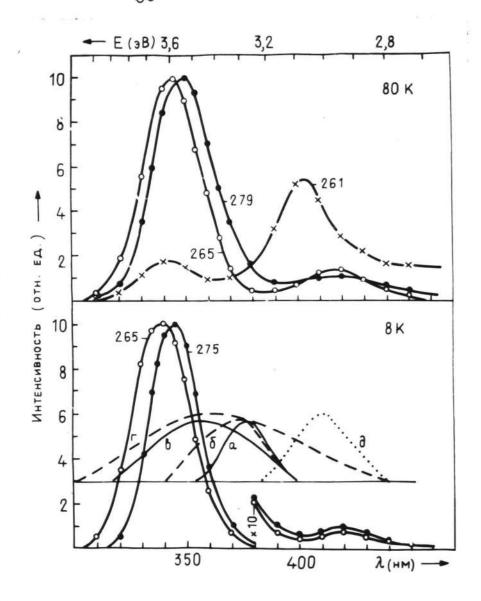


Рис. 5.1. Спектри лиминесцениям КСС-Рб при 30 и 8 к при различних длинах воли (в ны) возбуждения в пределах А -полосы поглощения. Внизу приведена форма полос пропускания фильтров, использованиях при измерении полиризационных спектров лиминесцениям: а - УСС-8+ВС-8, б - УСС-4+ВС-7, в - УСС-2+ВС-6, г - СС-7, д - СС-7+ВС-4.

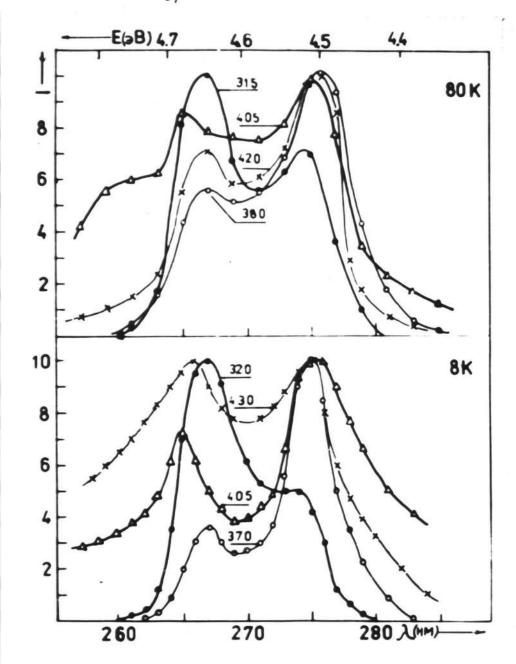


Рис.5.2. Спектры возбуждения разных спектральных районов в (ны) А -полосы излучения кСС-РС при 80 и 8 К.

из-за рассеяния не регистрируется ломинесценция, излучаемая в приповерхностном слое кристалла. В результате вместо полосы возбуждения с плоской вершиной (полное поглощение) регистрируется полоса с выемкой, положение которой соответствует максимуму полосы поглощения.

Поляризационные измерения проводились для азимутальных углов  $\mathcal{A}=0^{\circ}$  и  $\mathcal{A}=45^{\circ}$ . На рис. 5.3. показана зависимость степени поляризации  $\mathcal{P}$  от длины волны возбуждающего света при выделении разных районов излучения. Из поляризационных спектров следует, что:

- I. у полосы излучения 340 ны есть поляризация при  $\alpha = 0^{\circ}$  .
- 2. вид поляризационных спектров зависит от выделяемого района УФ полосы излучения 340 нм;
- 3. мансимальная положительная степень поляризации наблюдается в длинноволновой области спектра возбуждения полосы 340 нм;
- 4. полоса испускания 420 ны поляризована только при 

  = 45° при возбуждении на протяжении всей А − полосы поглоще−

При исследовании кинетических свойств полосы излучения 420 нм при температуре ниже 50 К была обнаружена сложная форма сцинтилляции, состоящая из быстрого БК и медленного МК компоментов /209/. При дальнейшем понижении температуры для БК увеличивается и при 8 К фотосцинтилляция состоит уже только из БК. Длительность МК и ее зависимость от температуры совпадает для излучения 340 и 420 нм.

На основании анализа данных поляризационных исследований можно убедиться, что структура полосы 340 ны более сложная,

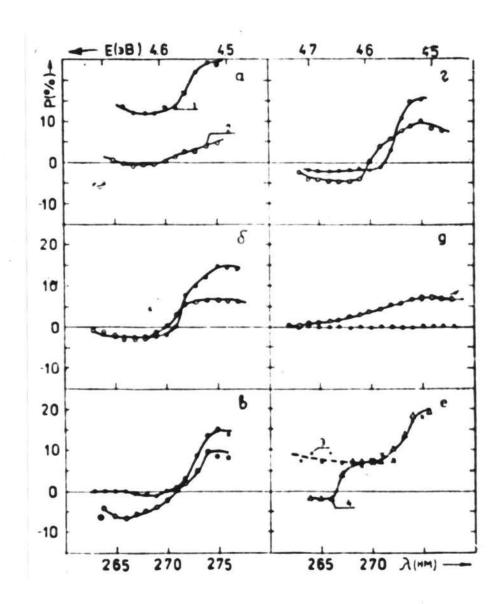


Рис.5.3. Зависимость степени поляризации для разних спектральных районов  $\mathcal{A}$  -люминесценции  $\mathcal{KCL}$ - $\mathcal{PG}$  "выделяемых фильтреми, указанным на рис.5.1.а-д, и монохроматором  $\mathcal{SPM}$ -2 (е,3-360 нм, е,4-320 нм) при 8 к.1.2,4 - азимутальный угол  $\mathcal{A}$  =0° или 90°, 2 -  $\mathcal{A}$  =45°.

чем предполагалось до сих пор, а именно: содержит подполосу, обладающую поляризацией вдоль оси третьего порядка (тригонального характера,  $P \neq 0$  при  $A = 45^{\circ}$ ) и двумя подполосами, поляризованными вдоль оси четвертого порядка (тетрагонального характера,  $P \neq 0$  при  $A = 0^{\circ}$ ). Точно определить положение максимума каждой подполосы не представляется возможным, можно поротковолновой, центральное положение занимает подполоса с тетрагональной поляризацией, у которой степень поляризации меняет знак при увеличении длины волны возбуждения  $A_{6035}$ , а самой длинноволновой является тетрагональная подполоса, у которой степень поляризации положительна на всем протяжении полосы возбуждения. Длинноволновая полоса излучения 420 нм элементарна и поляризована вдоль оси третьего порядка  $C_3$ .

Аналогичные исследования были проведены с кристаллом квп-Рв , они описаны в работе /210/. На рис. 5.4. приведены спектры излучения кристаляа при 80 и 6 К, из которого видно, что возбуждение в А полосе поглощения приводит к появлению двух полос излучения: неэлементарной коротковолновой полосы 360 нм и элементарной длинноволновой полосы 480 нм (при 80 К ее интенсивность больше, чем при 10 К). Спектры возбуждения на рис. 5.5 также свидетельствуют о сложной структуре полосы издучения 360 нм. Была сделана попытка разделить полосу излучения 360 нм на три подполосы, как это видно на рис. 5.6. На этом же рисунке приведены данные по поляризационным измерениям. юлоса 360 ны обладает поляризацией как тетрагонального, так и григонального характера, причем степень поляризации для обоих значений азимутального угла не является постоянной по полосе излучения при фиксированном значении Жозб. . Для  $\lambda=0^{\circ}$ степень поляризации возрастает на краях УФ полосы, а для 🗸 =

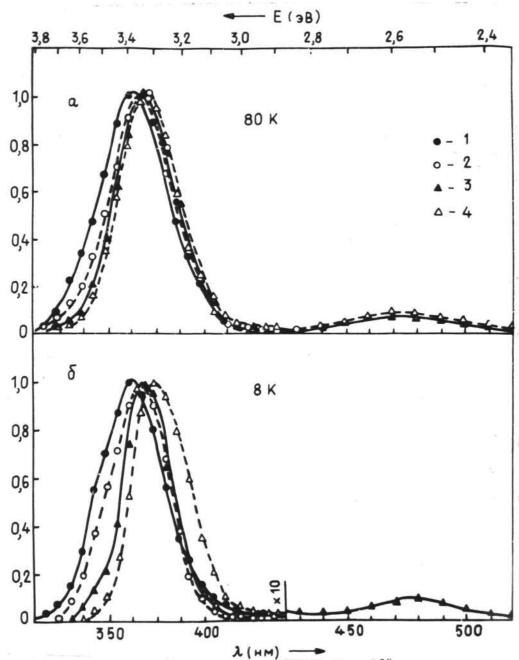


Рис.5.4. Спектры леженесценции КВ2-РЬ при разных длинах воли возбуждения из области А -полоси поглощения при 80 и 8 К, приведению к одному значению мансильный интенсивности.

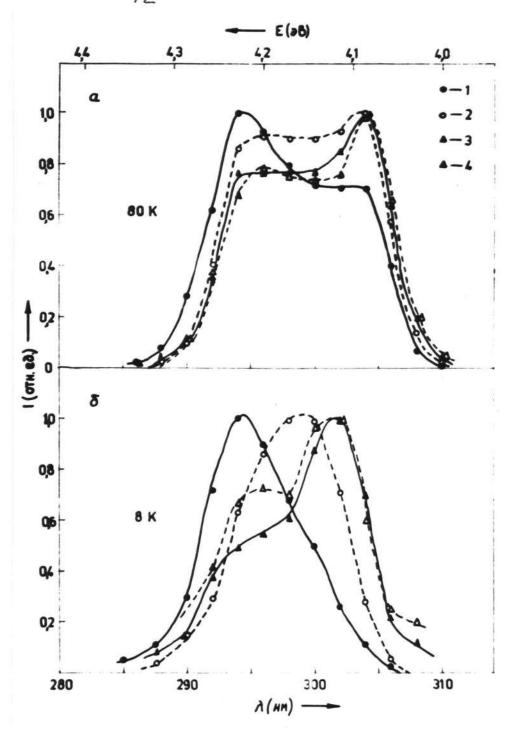


Рис.5.5. Спектры возбуждения КВГ-РС для разных спектральных районов А -жиминесценции при 80 и 8 К. приведение к одному значению максимальной интенсивности.

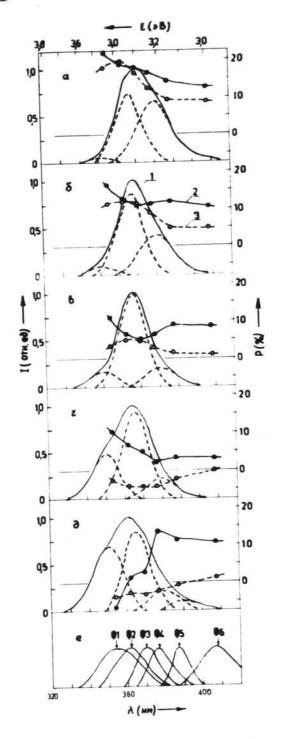


Рис. 5.6. Спектри лиминесценции (1)  $\mathcal{KBr}$ - $\mathcal{Ph}$  при 8 к для разних длин воли возбуждения (2=304, 6=302, B=300, r=296, д=290 ни), разложение на составляюще подполоси. Зависимость степени поляризации  $\mathcal{P}$  при 8 к для взимутальних углов  $\mathcal{K}$  =0°(2) и  $\mathcal{K}$  =45°(3) от  $\mathcal{X}$  мекс спектров пропускания использованиях фильтров.  $\mathcal{P}_4$  =48333+CC=14,  $\mathcal{P}_2$  =30C=2+BC=7,  $\mathcal{P}_3$  =30C=2+BC=8,  $\mathcal{P}_4$  =30C=2+BC=10,  $\mathcal{P}_5$  =30C=5+BC=10,  $\mathcal{P}_6$  =4C=13++BC=10+BC=4, e-gopma спектров пропускания фильтров  $\mathcal{P}_4$ = $\mathcal{P}_6$ 

= 45°, наоборот, убывает. Такое изменение степени поляризации подтверждает тройную структуру этой полосы и приводит к выводу, что каждая подполоса связана с определенной ориентацией электрического вектора излучения относительно кристаллографических осей кристалла.

Наиболее удовлетворительно можно объяснить эти экспериментальные данные, если предположить, что крайние подполосы имеют тетрагональный характер, а средняя - тригональный.

Обращают на себя внимание сложные по виду поляризационные спектры (зависимость P от  $\Lambda_{6035}$ ,), полученные для ряда фильтров, припускающие разные спектральные районы A —излучения на рис. 5.7. Тригональная поляризация для всех фильтров и обомих значений температур зависит от  $\Lambda_{6035}$ , однотипно: с увеличением  $\Lambda_{6035}$ .  $Q_{-45}$  возрастает, меняя знак с минуса на плос. Для группы фильтров  $Q_1 - Q_3$ , выделяющих в основном коротковолновую подполосу, зависимость  $Q_{-20}$  от  $\Lambda_{6035}$ , имеет знакопеременный характер, а для длинноволновой тетрагональной подполосы, выделяемой фильтрами  $Q_4 - Q_6$ ,  $Q_{-20}$  положительна при всех значениях  $\Lambda_{625}$ .

Анализ экспериментальных данных указывает на сходство свойств А - ломинесценции кристаллов КСС-РЬ и КВп-РЬ:

- I. в А -полосе поглощения возбуждается сильная коротковолновая и слабая длинноволновая полосы излучения;
- коротноволновые полосы излучения состоят из трех подполос;
  - 3. подполосы коротковолновой полосы излучения имеют раз-

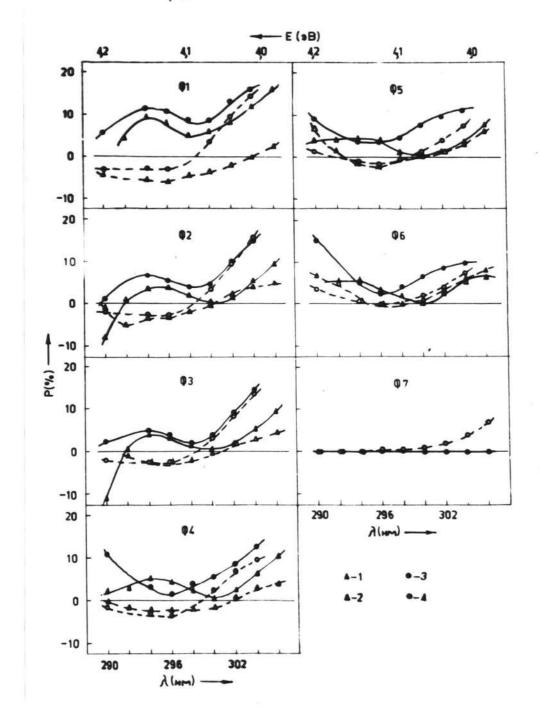


Рис.5.7. Поледизационные спектры KBr-Pbпри 80 К (1,2) и 8 К (3,4) для азимутальных углов  $\mathcal{L}=0^{\circ}(1,3)$  ,  $\mathcal{L}=45^{\circ}(2,4)$  при выделении разных районов лю-менносценции фильтрами  $\mathcal{P}_1-\mathcal{P}_2$  (  $\mathcal{P}_2$  -C3C9+3C-8).

дичные поляризационные свойства: две подполосы имеют тетрагональную поляризацию, одна - тригональную;

4. слабые длинноволновые полосы элементарны, имеют только тригональную поляризацию, их интенсивность больше при 80 К, цем при 10 К.

Перечисленные особенности А -ломинесценции указывают на то, что излучение центра  $Pb^{2}v_c^{-}$  , возбуждаемое в A -полосе поглощения, состоит из четырех полос. Совонупность экспериментальных данных дает возможность предложить интерпретацию полос излучения  $Pb^{2/V_c}$  - центров, подобную излучению однозарядных РЦ в ЩТК. Нижнее возбужденное состояние РВ2+1/с центров имеет два типа минимумов - тетрагональной и тригональной симметрия, но каждый из них под влиянием близлежащей катионной вакансии энергетически расщепляется на две группы, в результате чего излучаются две А полосы с тетрагональной поляризацией и две - с тригональной. Так как наблодается расцепление полос обоих типов симметрии, то следует признать, что 1/2 расположена по оси С2 относительно активатора, т.е. активаторный центр Pb2+Vc имеет симметрию [IIO]. (такого типа центр будем обозначать РВ [110] ). На общую природу полос указывают кинетические исследования, согласно которым издучение всех полос содержит БК и МК.

вывод о расположении  $V_e^-$  по оси  $C_2$  относительно  $S_h^{2,+}$  иона подтвердился позднее данными ЭПР по исследованию структуры радиационных дефектов в KCL /222/.

5.1.2. Sh 2 [110] центры в кристаллах КСL . КВn . КУ

После того, как было обнаружено экспериментальное доказательство существования не только тетрагональных, но и тригональных минимумов на ЭПАП нижнего возбужденного состояния  $Pb^{2+}V_c$  центров в кристаллах KCL и KBr , были предприняты аналогичные исследования оловянных центров, с тем чтобы выяснить, имеет ли строение ЭПАП общий характер для двухвалентных  $PU_c$ .

Исследование свойств А -излучения кристалла КСС-Sn описано в работах /212/. Спектры возбуждения и излучения А - полосы внутрицентровой люминесценции были получены при температурах 80 и 15 К. Характер спектров в данном температурном районе не меняется, за исключением сужения спектральных полос с понижением температуры. На рис. 5.8 приводятся спектры только при 15 К.

Спектр возбуждения представляет собой две группы полос, расположенных в областях 270 + 310 нм и 330 + 360 нм. Остановимся пока на свойствах излучения, возбуждаемого в группе интенсивных полос, лежащих в пределах А — полосы поглощения кристалла. (Дальнейшие исследования показали, что они связаны с ассоциатами  $Sh^2V_C$  [110] ). Зависимость формы спектров возбуждения от выделенного участка ломинесценции свидетельствует о неэлементарности возбуждаемой полосы.

Излучение при возбуждении в коротковолновой группе полос лежит в области 400-600 нм, его максимум в зависимости от  $\lambda_{605}$  перемещается от 470 до 600 нм, что также свидетельствует о сложной структуре как полосы возбуждения, так и излучения. Возбуждение в области 330-360 нм сопровождается излучением с максимумом 520 нм, оно будет обсуждаться позднее.

Поляризационные характеристики были получены при температуре 15,80 и 300 К. Измерялась степень поляризации для двух значений азимутального угла:  $\alpha = 0^{\circ}$  и  $\alpha = 45^{\circ}$ . На рис. 5.9.

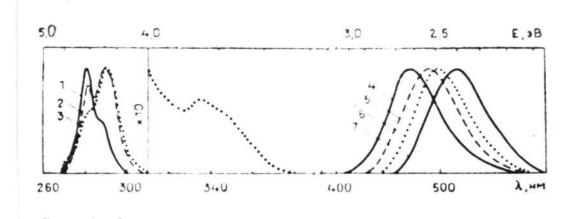


Рис.5.8. Спектри возбуждения для разных рейонов излучения (1-450, 2-500, 3-550 нм) и излучение при разных длинах воли возбуждения (4-274, 5-290, 6-302, 7-340 нм). КСС-Sn.

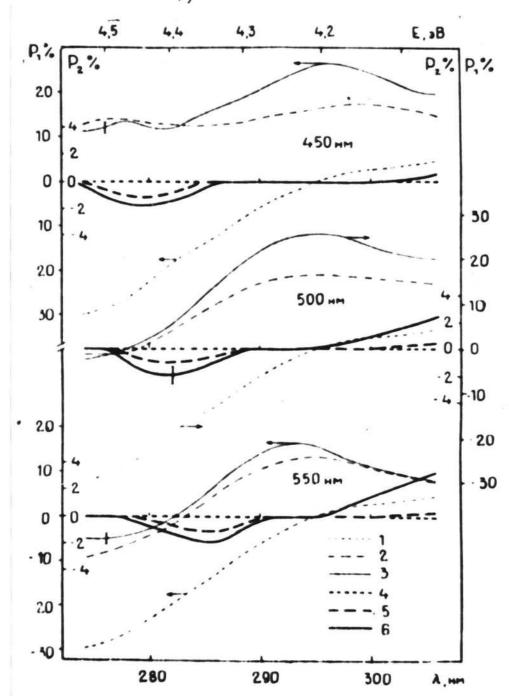


Рис.5.9. Зависимость степени поляривации от длини волен возбукцения для разних спектральных районов излучения для азимутальных углов 

— 10° (1-3) и 

— 15 к (3,6). Пиала Р относится к случаю 

— 15 к (3,6). Пиала Р относится к случаю 

— 15 к (3,6). Пиала Р относится к случаю 

— 15 к (3,6). Пиала Р относится к случаю 

— 15 к (3,6). Пиала Р относится к случаю 

— 15 к (3,6). Пиала Р относится к случаю 

— 15 к (3,6). Пиала Р относится к случаю 

— 15 к (3,6). Пиала Р относится к случаю 

— 15 к (3,6). Пиала Р относится к случаю 

— 15 к (3,6). Пиала Р относится к случаю 

— 15 к (3,6). Пиала Р относится к случаю 

— 15 к (3,6). Пиала Р относится к случаю 

— 15 к (3,6). Пиала Р относится к случаю 

— 15 к (3,6). Пиала Р относится к случаю 

— 15 к (3,6). Пиала Р относится к случаю 

— 15 к (3,6). Пиала Р относится к случаю 

— 15 к (3,6). Пиала Р относится к случаю 

— 15 к (3,6). Пиала Р относится к случаю 

— 15 к (3,6). Пиала Р относится к случаю 

— 15 к (3,6). Пиала Р относится к случаю 

— 15 к (3,6). Пиала Р относится к случаю 

— 15 к (3,6). Пиала Р относится к случаю 

— 15 к (3,6). Пиала Р относится к случаю 

— 15 к (3,6). Пиала Р относится к случаю 

— 15 к (3,6). Пиала Р относится к случаю 

— 15 к (3,6). Пиала Р относится к случаю 

— 15 к (3,6). Пиала Р относится к случаю 

— 15 к (3,6). Пиала Р относится к случаю 

— 15 к (3,6). Пиала Р относится к случаю 

— 15 к (3,6). Пиала Р относится к случаю 

— 15 к (3,6). Пиала Р относится к случаю 

— 15 к (3,6). Пиала Р относится к случаю 

— 15 к (3,6). Пиала Р относится к случаю 

— 15 к (3,6). Пиала Р относится к случаю 

— 15 к (3,6). Пиала Р относится к случаю 

— 15 к (3,6). Пиала Р относится к случаю 

— 15 к (3,6). Пиала Р относится к случаю 

— 15 к (3,6). Пиала Р относится к случаю 

— 15 к (3,6). Пиала Р относится к случаю 

— 15 к (3,6). Пиала Р относится к случаю 

— 15 к (3,6). Пиала Р относится к случаю 

— 15 к (3,6). Пиала Р относится к случаю 

— 15 к (3,6). Пиала Р относится к случаю 

— 15 к (3,6). Пиала Р относится к случаю

приведены зависимости P от  $\Lambda_{6035}$ , для разных спектральных районов излучения  $\Lambda_{L}$ , выделяемых интерференционными фильтрами. На рис. 5.10. представлены значения степени поляризации ломинесценции при фиксированной длине волны возбуждения в зависимости от положения выделенного спектрального участка A – доминесценции при 15 К.

В отличие от предыдущих работ по исследованию поляризационных свойств KCL-Sh, наши поляризационные исследования обнаружили существование поляризации не только при  $\mathcal{L}=0^{\circ}$ , но и при  $\mathcal{L}=45^{\circ}$ , хотя для последнего случая степень поляризации незначительна ( $/\mathcal{L}_{240}/\mathcal{L}=3\%$ ). Анализ поляризационных характеристик помогает судить о структуре полосы излучения. Характер изменения степени поляризации при изменении длины волны возбуждающего и излучающего света в большой степени зависит от температуры.

При комнатной температуре наблюдается поляризация только для  $\mathcal{A} = 0^{\circ}$ . Степень поляризации при выделении любого участка A -излучения одинаковым образом зависит от  $\mathcal{A}_{635}$ : с увеличением  $\mathcal{A}_{635}$ .  $\mathcal{A}_{=0}$  плавно меняет значения от - 30 до + 4%.
Независимость P от  $\mathcal{A}_{0}$  свидетельствует о том, что возбухдение в A - полосе поглощения при 300 К приводит к издучению только одной элементарной полосы.

При 80 К появляются признаки поляризации для  $\zeta = 45^{\circ}$  в области коротковолнового возбуждения, но, т.к. степень поляризации мала ( $\mathcal{L}_{=4C} \approx I$  %), трудно судить о местоположении тригональной подполосы. В длинноволновом районе возбуждения  $\mathcal{L}_{=46}$  пропадает.

Характер тетрагональной поляризации более сложный.  $P_{\alpha=0}$  зависит как от  $\Lambda_{603}$ , так и от  $\Lambda_{\Lambda}$ . При коротковолновом

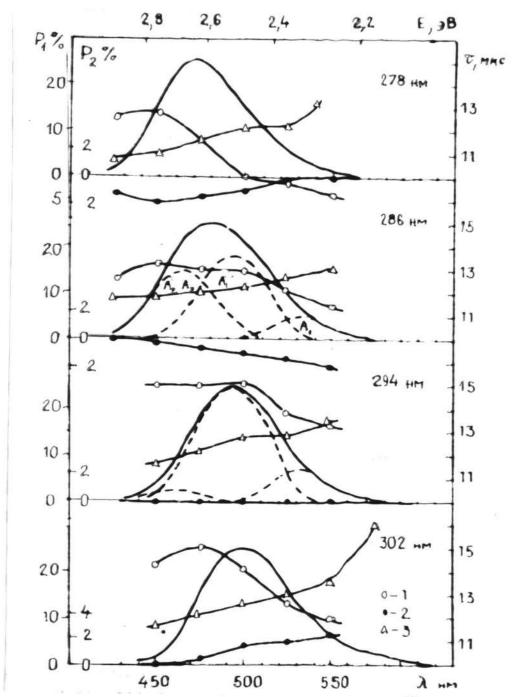


Рис. 5.10. Изменение степени поляризации Р, для  $\angle =0^{\circ}(1)$  и Р, для  $\angle =45^{\circ}(2)$ , а также времени затухания  $C^{\circ}(3)$  по спектру A —излучения  $C^{\circ}(2)$ , при финсированных длинах воды излучения и Т=15 к. Прернаистая дним соответствует приблизительному разложение A —леканесценции на портолосн.

возбуждении (274 нм) степень поляризации меняется от I3 % в коротковолновом краю полосы излучения до — I0 % в длинноволновом, т.е. степень поляризации меняет знак по спектру излучения. Это свидетельствует о том, что полоса излучения содержит две подполосы тетрагонального характера. С увеличением бозб. величина Р меньше зависит от выделяемого участка излучения и при длинноволновом возбуждении (302 нм) становится постоянной во всех районах излучения А — полосы.

ется при температуре 15 К. Тригональная поляризации наблодается как при коротковолновом возбуждении по всему спектру A - излучения (отрицательные значения P ), так и при длинноволновом длинноволновой области излучения (положительные значения P ). Сложный ход поляризационных кривых на фоне как спектров возбуждения, так и спектров излучения, можно объяснить, если предположить, что существуют две подполосы с тригональной поляризацией, расположенные в коротковолновом и длинноволновом краях A - полосы излучения. Так, из рис. 5.10 видно, что при возбуждении 278 нм проявляется поляризация коротковолновой подполосы, а при  $A_{color}$  = 302 нм - длинноволновой подполосы тригонального типа.

Тетрегональная поляризация меняется при 15 K в принципе так же, как и при 80 K, но при длинноволновом возбуждении длинноволновой край зависимости  $P = \mathcal{L}(\Lambda_n)$  более резко опускается вниз, что свидетельствует о существовании и влиянии длинноволновой тригональной подполосы в этой области.

Совокупность вышеупомянутых поляризационных зависимостей дает основание считать, что в состав A – излучения  $Sh^{2+}U_{c}^{-}$  – центров при 15 К входит четыре полосы: две тетрагональные и

две тригональные. Точно форму и положение этих полос определить трудно из-за очень близкого их расположения, примерное раздаление А -полосы излучения на четыре подполосы показано на рис. 5.10. В таком варианте в коротковолновом крас полосы излучения находится одна тетрагональная и одна тригональная подполосы, в центре полосы - вторая тетрагональная, и в длинноволновом крас - вторая тригональная подполоса. Соотношение интенсивности подполос зависит от  $\Lambda_{6030}$  и от температуры. (При комнатной температуре - всего одна тетрагональная подполоса входит в состав А -излучения).

Наличие двух тетрагональных и двух тригональных полос в —излучении говорит в пользу нахождения вакансии по оси  $C_{2}$ , т.е. излучающие активаторные центры, обуславливающие группу интенсивных полос в спектре возбуждения и излучение в районе 500 нм, имеют структуру  $Sh^{2} V_{c}$  [110] центров.

Экспериментальное подтверждение существования  $Sh^2V_c$ —
110 центров в кристалле KBr—Sh приводится в нашей работе /2/3/. В этом кристалле, также, как и в KCL—Sh, в оптических спектрах проявляется существование двух типов активаторных центров, каждый из которых обладает характерными спектральными полосами. Перекрывание спектров разной природы затрудняет их интерпретацию. На рис. 5.11. и 5.12. спектральные полосы, обусловленные излучением ассоциатов  $Sh^2V_c$  [110],
обозначены одним штрихом (в отличие от полос с двумя штрихами, принадлежащих активаторным центрам другого типа, речь о
которых пойдет ниже).

0 наличии двух тетрагональных подполос в A -излучении  $Sn^{2+}V_c^-$  - в районе 500 нм было известно еще до начала наших работ (см.главу 2). О сложной структуре A - полосы свидетель-

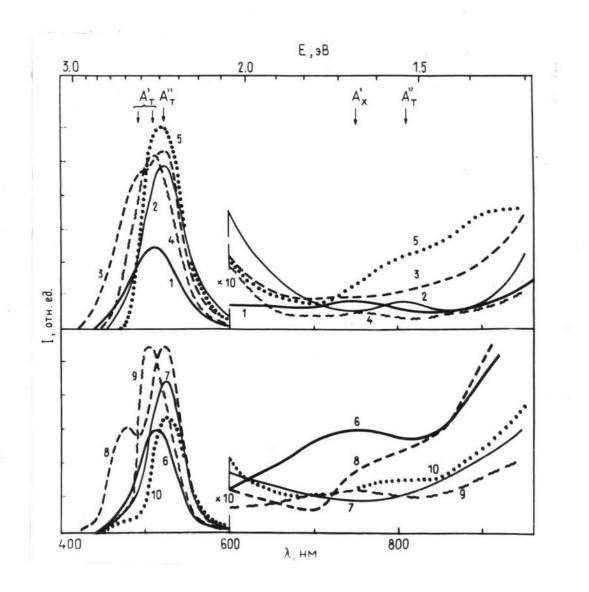


Рис.5.II. Спектры малучения крысталия КВг-Sn при 80 К при джине волин возбуждения света (1) – 212, (21 – 231, (3) – 302, (4) – 324, (5) – 357нм и при 10 К при джине волин возбуждениего света (6) – 209, (7) – 231, (8) – 302, (9)—321, (10) – 360 нм.

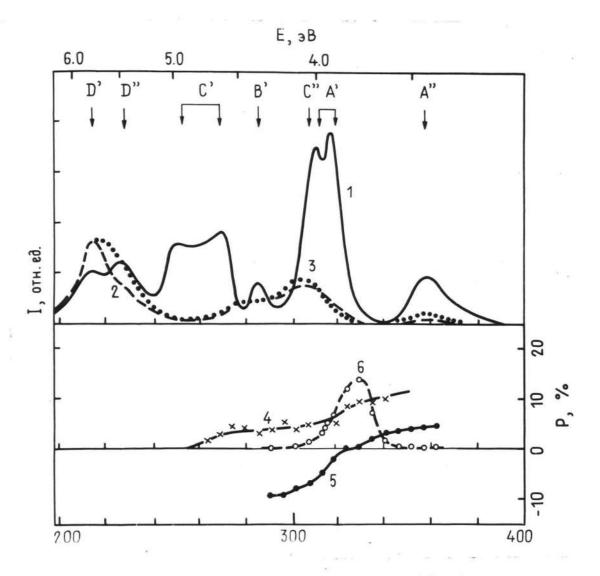


Рис.5.12. Спектри возбужщения кристалия КВ1-Упири 80 К при виделения излучения с димной волии (1) − 520, (2) − 800, (3) − 1000 нм и зависимость степени по-лиризации от длини волии возбуждениего света для 

✓ =0°(5) и ✓ =45°(4,6)при виделении излучения в районе 480-520 нм − (4) и 700-1000нм − (5,6).

ствует также спектр излучения на рис. 5.II, из которого видно, что положение максимума зависит от длины волны возбуждения.

Поляризационные исследования этой полосы показали, что кроме излучения с тетрагональной поляризацией, в этом районе также находится подполоса с тригональной поляризацией, степень поляризации которой достигает 10 % при 80 К. Точное положение тригональной подполосы в пределах А — полосы излучения на основании поляризационных измерений указать не представляется возможным, однако факт ее существования не вызывает сомнений.

Еще одна слабая полоса (750 нм), относящаяся к Д -излучению тех же центров, была обнаружена в ИК области, наряду с двумя другими слабыми полосами. Интерпретация слабых полос в ИК области представляет трудность из-за того, что они перекрываются между собой и возбуждаются в перекрывающихся спектрах. Полосу 750 нм приписали излучению центров Snt C [110] типа, благодаря тому факту, что она в чистом виде возбуждается в полосе  $\mathcal{D}^{\sigma}$  . Поляризационные измерения проводились при выделении всей длинноволновой области из-за невозможности выделения полос по отдельности ввиду их малой интенсивности и взаимного перекрывания. На рис. 5.12. отражены поляризационные спектры для  $\alpha = 0^{\circ}$  и  $\alpha = 45^{\circ}$  при выделении ИК области излучения.. Поляризация для  $d = 45^{\circ}$  наиболее выразительно проявляется в области возбуждения 300 + 340 нм ( А -полоса). где одновременно со сложной А - полосой 500 нм возбуждается и полоса 750 нм, которой, таким образом, можно приписать тригональный характер.

Итак, в кристалле КВп-Sn обнаружено А -излучение

Sn vc [110] центров, состоящее из двух тетрагональных и одной тригональной подполос в пределах известной полосы 500 нм и одной тригональной полосы 750 нм.

Кристалл KJ-Sn имеет характерный спектр поглощения, обусловленный диполями  $Sn^2v_c$ , содержащий хорошо выраженные A, B, C—полосы и несколько  $\mathcal{D}$ —полос. В этих полосах поглощения возбуждается ряд полос излучения, наиболее интенсивными из которых являются компоненты  $A_T$  излучения 520 нм и 560 нм, соответствующие переходам с тетрагональных минимумов нижнего возбужденного состояния  $Sn^{2+}$  иона. Причина расщепления  $A_T$  излучения — близко расположенная вакансия  $v_c$ —.

Проведенное в наших работах /214,215/ исследование, активаторного спектра излучения при низких температурах обнаружило ряд ранее неизвестных слабых полос. В данном разделе остановимся на рассмотрении некоторых обнаруженных полос.

Интерес представляют полоса излучения с максимумом 480 нм, расположенная на коротковолновом спаде А—излучения и одна из ИК полос с максимумом 710 нм, которые видны на спектрах излучения при 10 и 80 К на рис. 5.13 и 5.14. Оказалось, что спектры возбуждения этих полос излучения имеют совпадающие максимумы и лежат в пределах полос возбуждения центров, обуславливающих А—излучение (см. рис. 5.15— 1,2 и 5.16— 1,2). Возбуждение А—полос для сравнения представлено на рис. 5.15— 3,4, на рис. 5.16— 4.

Результаты поляризационных измерений отображены на фоне спектров возбуждения на рис. 5.15. при 10 и рис. 5.16. при 80 К. Следует отметить сложный вид спектров поляризации, вызванный как переменным ходом зависимости в пределах полосы возбуждения, так и перекрытием полос разной природы, обладаю-

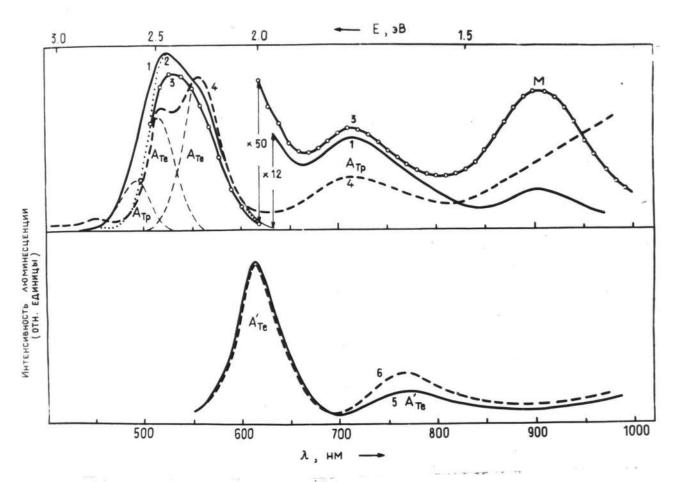


Рис.5.13. Излучение КЈ-*Sn* при 10 к при разних динами воли возбуждения (1)-302, (2)-297, (3)-352, (4)-258, (5)-335, (6)-390 нм.

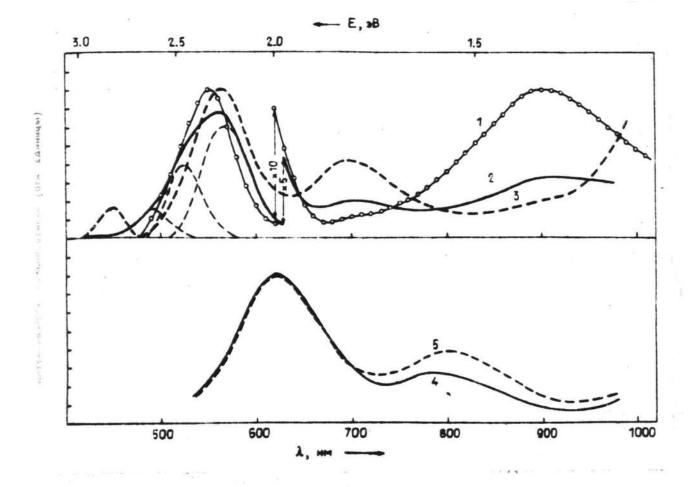


Рис.5.14. Излучение КУ- Srl при 80 к при разних диннах воли возбуждения (1)—352, (2)—302, (3)—258, (4)—335, (6)—390 нм.

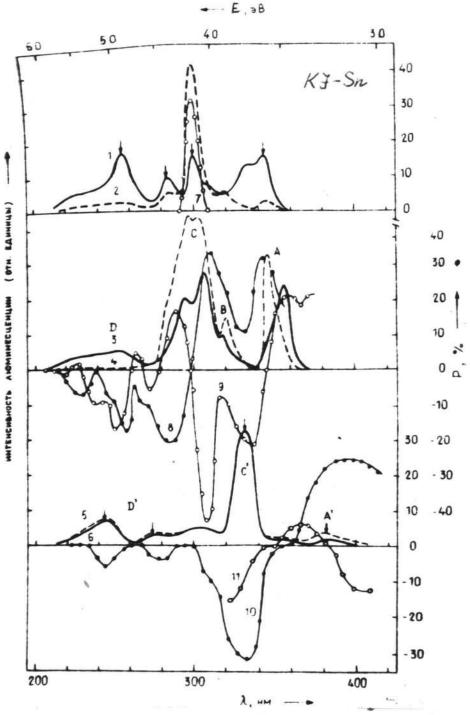


Рис.5.15. Спектры возбуждения при 10 К для разных районов излучения: (1)—700, (2)—470, (3)—570, (4)—520, (5)—800, (6)—620 нм и зависимость степени поляри— зации от дляны волим возбуждения для разных спектральных районов излучения: (7)—480, (8)—525, (9)—575, (10)—655, (11)—800 нм для азимутальных углов (7)— 

—45°, (8—11)— 
—0°.

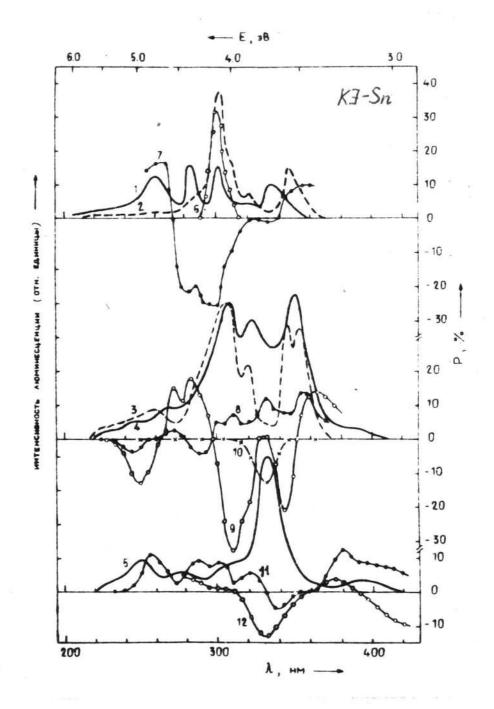


Рис. 5.16. Спектры возбуждения при 80 к для разних районов излучения: (1)-700, (2)-480, (3)-560, (4)-850, (5)-640 ны и зависимость степени поляризации от дляни волны возбуждения для разных спектральных районов излучения: (6)-480, (7)-700, (8)-510, (9)-575, (10)-850, (11)-660, (12)-800 ны для азимучения утлов (6,7)- ∠ =45°н (8-12)- ∠ =0°.

ших разными поляризационными характеристиками.

обе полосы  $A_{\tau}$  - излучения (520 и 560 нм) поляризованы вдоль оси  $C_{4}$  - т.е. обладают поляризацией тетрагонального типа. Ход поляризационных зависимостей для коротковолновой и длинноволновой полос различаются на протяжении всего спектра возбуждения. На рис. 5.15. и 5.16. даны поляризационные спектры для таких длин волн  $A_{\tau}$  - люминесценции, при которых взанимное гашение минимально.

Наиболее интересный результат получен при исследовании поляризационных характеристик полос излучения 480 и 710 нм. Для них обнаружена поляризация тригонального типа. Для корот-коволновой полосы зависимость  $Q_{-46} = f(\mathcal{A}_{COD})$  имеет вид узкого пика, примерно повторяющего полосу возбуждения этой полосы; P достигает значения 42 % при 10 к (37 % при 80 к). Поляризацию полосы 710 нм удалось измерить только при 80 к, когда она достаточно интенсивна. (При 10 к интенсивность полосы 710 нм сливком мала для поляризационных измерений). Зависимость имеет знакопеременный ход, положительна в пределах P и P полос поглощения, отрицательна при возбуждении в P полосах поглощения; абсолютная величина степени поляризации достигает значения 26 %.

Полосы 480 и 710 нм логично сопоставить с расцепленной на два компонента  $A_{\chi}$  тригональной полосой тех же центров, которые обусловили появление расцепленного  $A_{\chi}$  —излучения (520, 560 нм). Происхождение  $A_{\chi}$  и  $A_{\gamma}$  излучения от одних центров следует из принципиального совпадения спектров возбукдения. В свою очередь, наличие двух тетрагональных и двух тригональных полос излучения в активаторных центрах свидетельствует о расположении  $V_{\zeta}$  по оси второго порядка, расцепляющей

нак  $A_T$  , так и  $A_X$  — излучение. Таким образом, описанные ныше полосы излучения принадлежат  $Sn^{2+}V_C$  — ассоциатам.

В исследованных кристаллах KCC, KBT и KJ, активированных оловом, основные, наиболее интенсивные полосы в спектрах излучения (а также некоторые слабые полосы, имеющие совпадающий с вышеупомянутыми спектр возбуждения), обусловлены излучением  $Sn^{2+}V_C$  [110] центров, характеризующихся налишием двух полос с тетрагональной и двух полос с тригональной поляризацией в спектре излучения. Если в случае кристалла KCL-Sm приписывание тригонального характера подполосам A — излучения выглядело, возможно, не убедительно из—за малой степени поляризации ( $\sim 3$  %), то достаточно большое значение степени тригональной поляризации в кристаллах KBr-Sm ( $\sim 10$  %) и KJ-Sm ( $\sim 30$  %) убеждает в том, что оловянные центры, также, как и свинцовые, образуют в основном центры типа  $M^2V_C$  [110].

## 5.2. Оптические свойства $M^{2+}V_c$ [OOI ] центров

Кроме полос, обусловленных  $Sh^2V_c$  [110] центрами, в KCL , KBr и KS кристаллах, активированных оловом, наблюцаются более слабые полосы, принадлежащие другим активаторным центрам.

В кристалле КУ-Sh в спектре активаторной ломинесценции с длинноволнового края от расцепленной A<sub>T</sub> ломинесценции (520, 560 нм) была обнаружена более слабая полоса 620 нм, описанная в нашей работе /216/. Были проведены исследования спектров внутрицентровой ломинесценции при двух значениях температур: 80 и IO К; т.к. характер спектров с температурой меняется незначительно, то приводим данные только для случая 10 К на рис. 5.17. Из рис. 5.17. видно, что спектр возбуждения полосы 620 нм содержит несколько полос, не совпадающих с полосами возбуждения Sh 2+ Ve TIIO 7 центров, но их взаимное расположение и форма характерны для РЦ. Спектр возбуждения полосы 620 нм (полосы возбуждения отмечены звездочками) очень напоминает спектр возбуждения А, -полос, сдвинутый в длинноволновую сторону. Полосу 380 нм можно сопоставить с Д\* - полосой возбуждения, полосу 335 нм - с  $C^*$  -полосой. (  $B^*$  - полоса, вероятно, не возбуждается из-за слабой интенсивности). Более коротковолновое возбуждение относится к 🛮 -полосам. Если принять во внимание, что полосы возбрадения 275 и 310 нм перекрываются сильной С - полосой возбуждения Sn2+Vc [1107 центров, что приводит к искажению формы слабых полос, то можно прийти к выводу, что появление этих двух полос возможно в результате искажения одной Д\* -полосы возбуждения, расположенной в области 275-315 нм. Самую коротковолновую из полос в спентре возбуждения с максимумом 245 нм можно сопоставить с Д, -полосой. Таким образом, в спектре возбуждения полосы излучения 620 ны наблюдаются  $A^*$ ,  $C^*$  и две  $\mathcal{D}^*$  полосы, каждая из которых сдвинута в сторону низких энергий по сравнению с соответствующими полосами возбуждения  $Sh^{2+}V_c$  [110] центров.

В работе /216/ было высказано предположение, что полоса 620 нм обусловлена излучением активаторных центров  $Sn^{2t}$  без расположенной поблизости  $V_C$ . Однако, дальнейшие исследования активаторной ломинесценции кристалла  $K\mathcal{F}-Sn$ , проведенные нами в  $\rho\alpha\delta$ оте /215/ \_ , обеспечили новые данные, которые заставляют по-другому интерпретировать это излучение.

В разделе 5.1.2. уже упоминалось, что исследование длин-

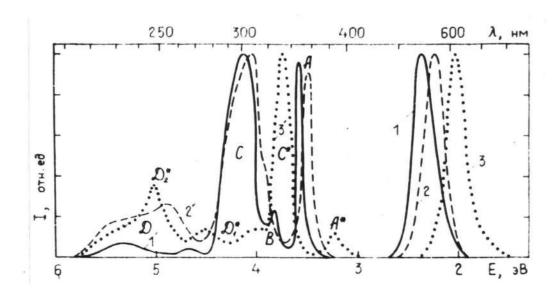


Рис. 5.17. Спектри налучения (I-3) и возбуждения (I-3) при температуре IO К. (I,2) - А налучение  $S_n^{2+} V_c$  [IIO] центров при возбуждении 346 и 358ни, соответственно, (3)-налучение  $S_n^{2+} V_c$  [OOI] -центров при возбуждении 332 ни, (I,2)-возбуждение  $S_n^{2+} V_c$  [IIO] -центров ( $A_{NOM}$  -500 и 570 нм). (3)-возбуждение  $S_n^{2+} V_c$  [OOI] -центров ( $A_{NOM}$  -650ни).

новолнового района издучения кристалла  $\mathcal{KY}$ -  $\mathcal{S}_{N}$  привело к обнаружению ряда слабых полос издучения (напомним, что одна из них, с максимумом 710 нм — компонент расцепленного  $A_{T}$  — излучения  $\mathcal{S}_{N}^{2+}$  [ 110] центров ). Остановимся подробнее на рассмотрении другой  $\mathcal{W}_{N}$  полосы с максимумом 780 нм (см. рис. 5.13 — 5,6, 5.14 — 4,5). Как видно из рис. 5.15, спектр возбуждения полосы излучения 780 нм (кривая 5) точно совпадает со спектром возбуждения полосы 620 нм (кривая 6), выписывая  $\mathcal{A}_{N}$ ,  $\mathcal{C}_{N}$ , две  $\mathcal{D}_{N}$  полосы (обозначенные штрихом). Не вызывает сомнения происхождение полос 620 и 820 нм в результате излучения одного центра, содержащего активатор.

Поляризационные измерения этих полос, отраженные на рис. 5.15. и 5.16. свидетельствуют о поляризации только тетрагонального типа. Поляризация знакопеременного характера прослеживается на протяжении всего спектра возбуждения (для 780 нм - кривые II на рис. 5.15 и I2 на рис. 5.16, для 620 нм - кривые I0 на рис. 5.15. и II на рис. 5.16).

Наличие тетрагональной поляризации наряду с совпадением спектров возбуждения позволяет интерпретировать полосы излучения 620 и 780 нм как расцепление  $A_{\tau}$  излучения оловосодержащего центра. Значительное расцепление  $A_{\tau}$  излучения и знакопеременный ход поляризационной зависимости характерны для примесных центров, возмущенных близко расположенной вакансией, поэтому прежняя интерпретация полосы излучения 620 нм как  $A_{\tau}$  излучения  $S_{n}^{2\tau}$  центров кажется сомнительной. Бомее вероятным излучателем полос 620, 780 нм является оловянный центр, в котором вакансия расположена по оси  $C_{\tau}$  относительно активатора. Такой центр обладает, вероятно, и  $A_{\chi}$  измучением (не расцепленным), пока не обнаруженным, возможно измятелем измятелемного и спектрального расположения

вне пределов чувствительности измерительных приборов.

В кристаллах KCC-Sh и KBh-Sh, как уже упоминалось, слабая полоса в районе 520 нм на длинноволновом крао  $A_T$  излучения  $Sh^{2+}V_C$  [IIO] центров, а также ее A и C полоса возбуждения были известны уже из работ Зазубович (см. гл. 2.), и интерпретировались, как  $A_T$  излучение "кубических"  $Sh^{2+}$  центров. Наши исследования длинноволнового края активаторного излучения этих кристаллов, аналогичные описанным для KY-Sh, как и в предыдущем случае, привели к новой интерпретации.

В кристалле КВЛ-Sn из числа слабых ИК полос излучения в данном случае представляет интерес полоса 800 нм (см. рис. 5.II). На рис. 5.I2. ее возбуждение (кривая 2) показано наряпу с возбуждением полосы излучения 520 нм (кривая I). Надо отметить, что в спектре возбуждения полосы 520 нм проявились как ее собственные полосы, отмеченные двумя итрихами, так и полосы воэбукдения интенсивного А, излучения Sn2110] центра, отмеченные одним штрихом, из-за взаимного перекрытия полос излучения разной природы. В некоторых участках спектра возбуждаются только полосы излучения 520 и 800 нм (в А" и  $\mathcal{D}''$  - полосах), что позволяет их объединить в излучение одного происхождения. Как уже упоминалось, поляризационные измерения проводились при выделении всей ИК области. Соотнести поляризационные характеристики с определенными полосами помогает анализ хода зависимости степени поляризации от длины волны возбуждающего света. В области А "-полосы - 340 + 360 ны наблюдается поляризация только для  $\ll = 0^{\circ}$ , следовательно, возбуждаемая в этом районе (наряду с полосой 520 нм) полоса излучения 800 нм имеет тетрагональный характер. Отрицательные значения степени поляризации для d = 0° соответствуют, вероятно, возбуждению тетрагональной полосы 800 нм в

С"-полосе.

В кристалле КСС-Яп была обнаружена аналогичная длинноволновая слабая полоса 780 нм, как показано на рис. 5.18. С
известной полосой тетрагонального типа 520 нм (приписываемой
ранее Яп<sup>2+</sup> центрам), ее роднит возбуждение в А" полосе
(330 + 360 нм) и общее сходство спектров возбуждения. На рис.
5.19. кривая I описывает возбуждение полосы 520 нм, кривая 2 полосы 780 нм. Поляризационные измерения в ИК области проводились так же, как в вышеописанном кристалле КВх-Яп. В пределах А" -полосы возбуждения была обнаружена тетрагональная
поляризация знакопеременного характера. Таким образом, и для
кристалла КСС-Яп было обнаружено наличие двух полос излучения тетрагонального типа, возбуждающихся одновременно в
карактерных полосах, которые можно интерпретировать как расщепление А, излучения Ягус [001] центра.

 Общие черты антиваторной ломинесценции в ЩТК, активированных двухзарядными примесями

В разделах 5.1. и 5.2. представлены экспериментальные данные относительно ективаторной ломинесценции ЩК с двухвалентными примесями при ниэких температурах. Обобщая результаты спектральных и поляризеционных исследований А -излучения, отметим, что во всех исследованных кристаллах ( КСС, КВС, КУ), активированных РБ<sup>2+</sup> и Sn<sup>2+</sup> ионами, были обнаружены наряду с ранее известными тетрагональными полосами полосы тригонального характера. На наш взгляд, это важный результат, который позволяет респространить представление об ЗВТ, вызывающего появление минимумов тетрагональной и тригональной симметрии на ЗПАЛ нижнего возбужденного состояния на исследо-

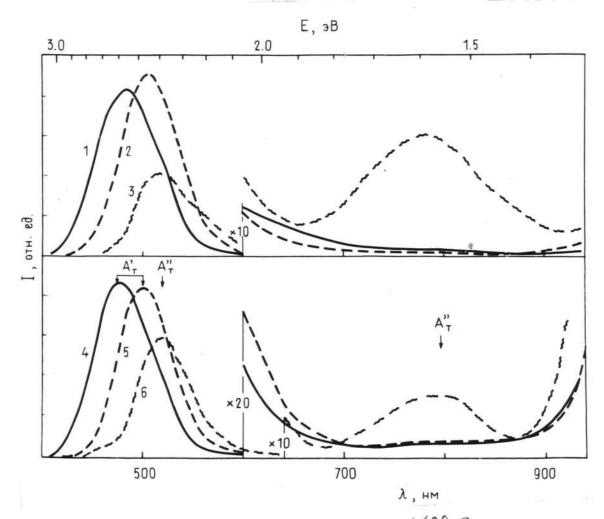
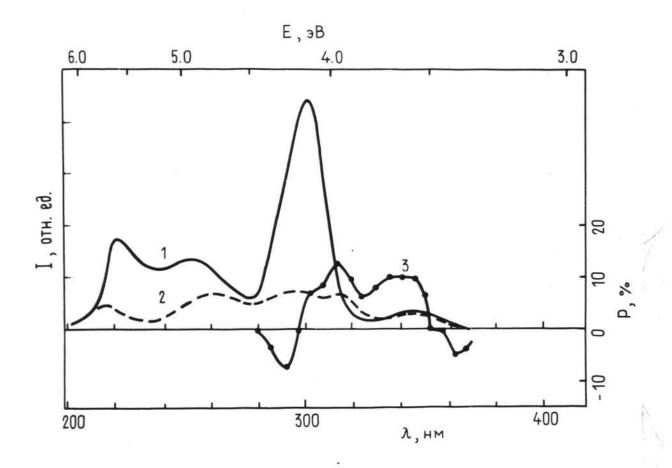


Рис.5.18. Спектры излучения кристалла КСС-Sn при 80 к при длине волин возбужданцего света (1)-286, (2)-302, (3)-344 ны,при 10 к при длине волны возбужданщего света (4 ⋅ 286 , (5)-302, (6)344нм.



ванные двухзарядные РЦ.

Общая картина активаторного излучения в закаленных криставлях с примесью  $M^{2+}$  нам представляется такой. Наиболее вероятным образом  $M^{2+}$  встраивается в решетку в виде диполя в паре с близко расположенной катионной вакансией  $V_c$ . Расположение  $V_c$  относительно  $M^{2+}$  может быть двояким: ближайшее вдоль оси  $C_2$  в диполях  $M^{2+}V_c$  [110] или во второй катионной сфере вдоль оси  $C_4$  в диполях  $M^{2+}V_c$  [001].

Большинство примесных ионов образуют ассоциаты  $\mathcal{M}^{2+}V_c$  [110]. Нижнее возбужденное состояние  $\mathcal{M}^{2+}$  содержит минимумым тетрагональной и тригональной симметрии, обуславливающие соответственно  $\mathcal{A}_7$  и  $\mathcal{A}_X$  излучение. Расположение  $V_c$  по оси  $\mathcal{C}_2$  относительно  $\mathcal{M}^{2+}$  приводит к расщеплению обоих типов излучения, что проявляется в излучении двух тетрагональных и двух тригональных полос. Такое "четырехполосное" излучение было обнаружено в кристаллах  $\mathcal{KCl} - \mathcal{P6}$ ,  $\mathcal{KBr} - \mathcal{P6}$ ,  $\mathcal{KCl} - \mathcal{Sn}$ ,  $\mathcal{KBr} - \mathcal{Sn}$ ,  $\mathcal{KCl} - \mathcal{Sn}$ .

Небольшая часть  $M^{2+}$  ионов образует ассоциать  $M^{2+}$ [001]. Наличие вакансии  $V_{C}^{-}$  вдоль оси  $C_{4}$  относительно примесного иона расщепляет  $A_{7}$  издучение, оставляя нерасщепленным  $A_{\chi}$  издучение. Такое расщепление  $A_{7}$  издучения в виде двух тетрагональных полос было обнаружено в кристаллах KCC—Sm, KM—Sm, KY—Sm,  $A_{\chi}$ —издучение таких центров должно быть представлено одной полосой с тригональной поляризацией. Экспериментально оно не было пока найдено.

На рис. 4.20. схематически изображены полосы излучения активаторных центров двух типов, изучавшихся в работе.

Что касается центров кубической симметрии  $M^{2+}$ , то, видимо, в закаленных кристаллах, специально не подвергнутых

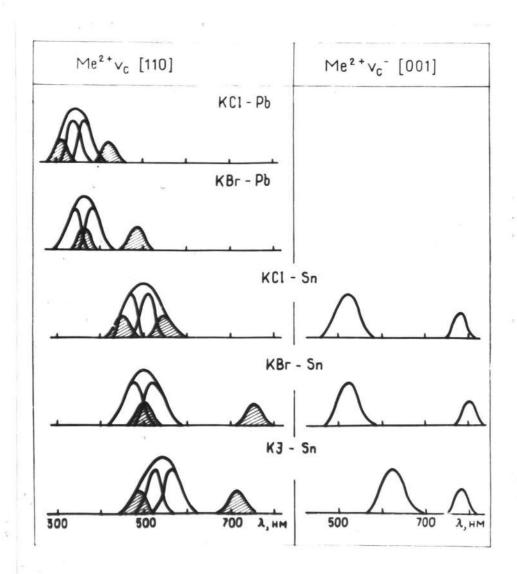


Рис.5.20. Схематическое изображение спектров А -излучения ассоциатов М<sup>2+</sup> С [110] и М<sup>2</sup> С [001] в исследованных кристалиях. Заштрихованные полоси обладают тригональной полиризацией, незаштрихованные - тетратональной.

жесткому облучению, их количество слишком мало, чтобы обеспечить излучение, регистрируемое применяемой нами аппаратурой.

## 5.4. Выволы

- І. На энергетической поверхности адиабатического потенциала двухзарядного РЦ в ЩТК (так же, как однозарядного РЦ) в результате ЗЯТ образуются минимумы как тетрагональной, так и тригональной симметрии, что проявляется как  $A_T$  и  $A_X$  излучение, поляризованное вдоль кристаллографических осей четвертого и третьего порядка, соответственно.
- 2. Большая часть двухзарядных примесных ионов образуют ассоциаты с вакансией типа  $M^{et}$  [ IIO] , их A —излучение представлено двумя тетрагональными и двумя тригональными полосами. Такого типа излучение обнаружено в кристаллах KCL-PC, KB2-PC, KCL-SN, KPC-SN, KY-SN.
- 3. В кристаллах KCI-Sn, KBr-Sn, KY-Sn обнаружены ассоциаты  $Sn^{3}V_{c}[OI]$ , для которых характерно наличие двух тетрагональных полос излучения.

## 6. OKOBOAKTUBATOPHHE BOSEYBURHURI

Процессы, связанные с антиваторной ломинесценцией, происходят при возбуждении не только в антиваторных полосах поглощения A, B, C. Непосредственное возбуждение антиваторной ломинесценции и создание антиваторной светосуммы происходит также в D -области, т.е. в спентральной области между C и экситонной полосами поглощения. Наша работа связана в основном с изучением структуры и свойств D -области кристалла KY-SM, однако некоторые исследования были проведены и с кристаллами KY, активированными другими РЦ.

## 6.1. Структура $\mathcal{D}$ -области кристалла $\mathcal{KV}$ - $\mathcal{S}\mathcal{N}$

Как уже упоминалось в главе 2, в Д -области кристалнов, активированных двухзарядными ртутеподобными ионами, наблюдается несколько (по крайней мере 3) полос поглощения. Относительно кристалла КУ-Sn в работе /44 / приводятся данные о трех Д -полосах, мансимумы которых расположены при 270, 255, 240 нм. В работе / 50 / также сообщается о наличии трех полос в Д -области, две из которых совпадают с выпеупомянутыми, а третья расположена в области 224 нм (о полосе 270 нм не сообщается). Эти данные отражены на рис. 6.1 - 1,2. В то же время в спектрах возбукдения и спектрах создания активаторной светосумым наблодаются полосы, которые лежат в еще более коротковолновой области, чем указанные полосы поглощения. Такие же полосы, лежащие на длинноволновом склоне экситонной полосы, наблюдаются и в кристаллах, активированных другими ртутеподобными нонами. Только для случая кристалла КУ-79 в работе / 62 / была обнаружена полоса поглощения, совпадающая

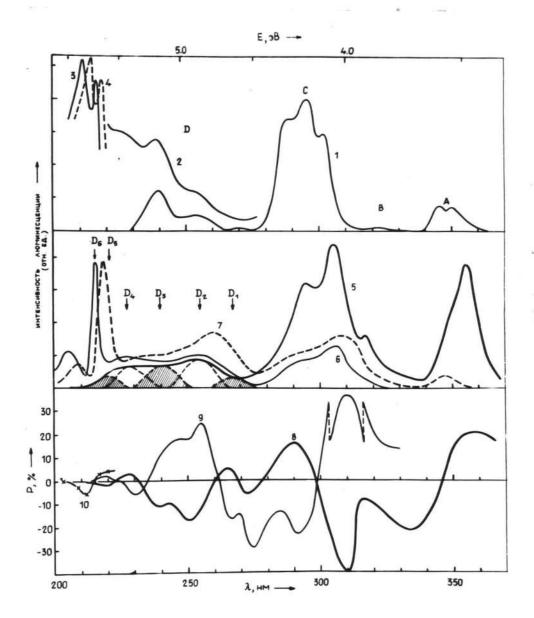


Рис. 6. I. Спектр поклющения К. Sh по данни работ / 50 /
—I. / 44 /- 2. нени намерения — 3.4;

спектри возбуждения для излучения К. Sh 575км(5)

и 450(6.7); полиризационню спектри для налучения К. - Sh 575км (8). 450км (9). 425км (10) для авинутального учла & =0°. Списиние криме соответствуют то к, пунктирию — 80 к. В спектре (5) D-облясть примерно разделена на отдельные полоси. Отмечени неконмули отдельных D -полос поглющения при то к (D, - D<sub>6</sub>).

с коротковолновыми полосами в спектрах возбуждения и создания. Для других кристаллов, в том числе для KY-M, осталась неизвестной природа этих коротковолновых полос.

Нами была проделана работа /218 / с целью поиска в спектре поглощения самых коротковолновых полос, связанных с присутствием активатора, проявляющихся в активаторных спектрах возбуждения и создания. Сложность состоит в том, что искомая полоса поглощения лежит на склоне сильной экситонной полосы, оптическое поглощение в которой можно измерить на спектрофотометре только для тонких слоев ( ~ 100 Å), у кристалла такой толщины поглощение в искомой области будет ничтожно мало и его измерение не будет возможным. Разрешить эту трудность удалось с помощью метода использования спектрофотометра " Specord UV VIS ", описанного в главе 4. Результаты измерения поглощения в области экситонной полосы при 10 и 80 К кристаллов КУ-Рв. КУ-Sn. КУ-In и КУ-ТС приведены на рис. 6.2, из которого видно, что во всех исследованных кристалдах вблизи жэкситонного максимума имеются полосы, связанные с Д -состояниями в активированных кристаляах. В неактивированном кристалле таких полос нет. Отметим, что положение обнаруженной полосы поглощения в кристалле КУ- ТС (218 ны при 80 и 215 ны при 10 К) совпадает с данными работы /62/. Особый интерес для нас представляют данные относительно кристалла КУ-би , согласно которым самая коротковолновая // -полоса поглощения имеет максимум 216 нм при 10 К и 218 нм при 80 К. Эти результаты, отложенные на рис. 6.1, дополняют данные относительно структуры Д -области поглощения кристалла КУ-ба. Из сводного рис. 6.1 видно, что в Д -области расположено по крайней мере 5 полос поглощения.

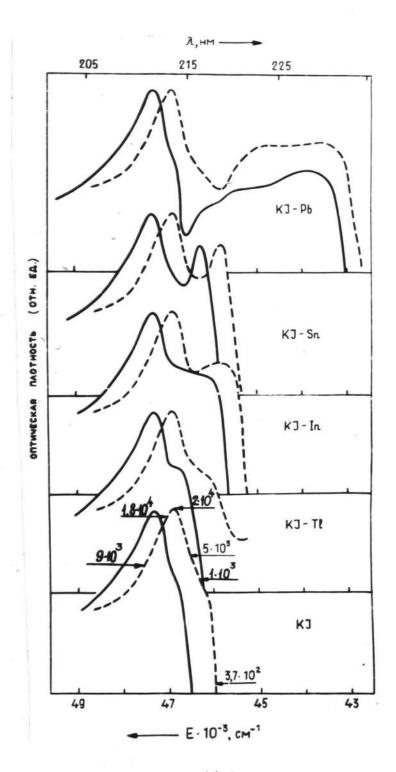


Рис. 6.2. Оптическая плотность К ј с разними активаторами, измеренная на спектрофотометре "Spected UV VIS " в специальном режиме. Для чистого К ј указана значения оптической плотности при 80 К. Спложная линия — 10 К, атриховая — 80 К.

Факт существования в Э -области больного числа полос поглощения не вызывает удивления, если придерживаться позиции возбуждения околоактиваторного аниона, т.к. у двухзарядных центров возможно больное разнообразие околоактиваторных возбуждений даже в первой координационной сфере. Это разнообразие обусловлено как несколькими возможными токами активаторных центров, так и целым набором взаимных расположений возбужденных околоактиваторных ионов иода и катионной вакански у каждого из центров.

Указанное многообразие в то же время создает определенные трудности для объяснения конкретной природы и свойств отдельных Д -полос у кристаллов, активированных двухзарядными ионами. Эти трудности были бы почти не преодолены, если бы в главе 5 не было установлено, что у закаленного кристалла КУ-би при низких температурах преобладают центры Sn2tvc [110] . которые в основном и обуславливают форму спектра поглощения (в том числе и в Д -области) и, следовательно, задача интерпретации отдельных полос в Д -области может быть сведена к обоснованному сопоставлению их с возбуждением ионов иода вблизи основных центров Sn2+16 [110] . В D -области поглощения кроме полос, связанных с диполями  $Sh^{2+} V_c [IIO]$ , находятся также D -полосы, связанные с диполями  $Sh^{2t}$  [001] . Их положение и число можно определить из спектра возбуждения активаторного свечения, соответствующего этим диполям (например, для полосы 620 нм - см. рис. 5.15. - 5.17.). Однако эти полосы мало интенсивны по сравнению с рассмотренными выше из-за относительно малой концентрации "тетрагональных" диполей, поэтому их вклад в Д -область поглощения весьма незначителен.

# 6.2. Процессы преобразования энергии при возбуждении кристалла КУ-8м в D -области поглощения

Возбуждение кристалла КУ-би в D -области поглощения может приводить к разным эффектам преобразования энергии: запасанию активаторной светосумым, излучению активаторного центра, излучению околоактиваторного экситона. Относительная эффективность этих процессов различна для разных D -полос поглощения. Изучение процессов преобразования энергии околоактиваторного возбуждения способствует выяснению структуры D -области.

Описанию процесса запасания светосумым при облучении кристаляа в *D* -области будет посвящена глава 7., здесь отметим только, что максимум основной полосы в спектре создания составляет 224 нм при 60 К и 221 нм при 10 К.

Остановимся более подробно на процессе активаторного излучения, возбуждаемого в  $\mathcal{D}$  -области. На рис. 6.3. представлены спектры излучения, возбуждаемые в  $\mathcal{D}$ -области погложения. В области 220 + 270 нм возбуждается свечение  $\mathcal{S}_{h}^{\mathcal{A}+}\mathcal{D}_{e}$ [110] диполей, включающее в себя  $\mathcal{C}$  -излучение 450 нм,  $\mathcal{A}_{f}$  - излучение 520 и 560 нм,  $\mathcal{A}_{g}$  -излучение 710 нм, а также слабую полосу 890 нм. (Относительно полосы 890 нм было высказано предположение, что ее происхождение может быть связано с излучением с метастабильного состояния /2/4/). Тот факт, что в спектре излучения кроме  $\mathcal{A}$  -полос присутствует и  $\mathcal{C}$  -полоса, свидетельствует о том, что при  $\mathcal{D}$  -возбуждении  $\mathcal{A}$  -состояние заселяется через  $\mathcal{C}$  -состояние/223/.

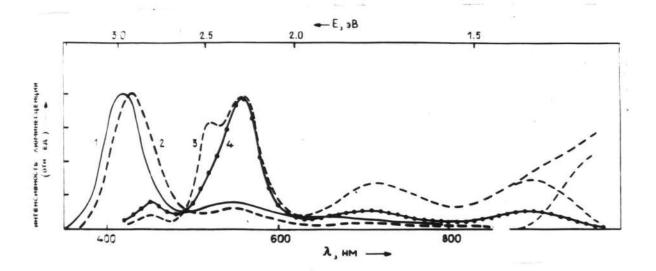
На рис. 6.1. показаны спектры возбуждения полос A (575 нм) — кривая 5 и C (450 нм) — кривые 6 и 7. Из рисунка видно, что в D —области максимумы в спектре возбуждения

совпадают по положению с максимумами в спектре поглощения, котя отдельные максимумы в возбуждении не проявляются. В возбуждении полосы 450 нм выделяется узкий интенсивный пик в коротковолновом краю (116 нм при 10 К, 118 нм при 80 К), совпадающий по положению с самой коротковолновой из Д-полос поглощения, обнаруженной в работе /218 /. Дальнейшие исследования показали, однако, что этот пик возникает из-за перекрывания полосы 450 нм с полосой 430 нм, которая возбуждается при 80 К в области 118 нм.

Важную информацию для суждения относительно структуры

— области можно извлечь из анализа поляризационных характеристик активаторного издучения. В нижней части рис. 6.1. приведены поляризационные спектры издучения 570 нм (кривая 8) и 450 нм (кривая 9) при 10 К. Обращают на себя внимание две особенности поляризационных спектров: 1) знакопеременный ход каждой из кривых на протяжении всего спектра возбуждения, включая Д -область; 2) антибатный ход кривых при выделении издучения 570 и 450 нм. Изменение знака поляризации в области 270 и 233 нм указывают на то, что в этих районах соприкасаются по две полосы, которые связаны с компонентами расцепления одного состояния, имеющими взаимно перпендикулярные ориентации соответствующих волновых функций.

Облучение кристалла КУ-Su в коротковолновом районе  $\mathcal{D}$  — области вызывает кроме слабой активаторной ломинесценции появление полосы излучения 430 нм (см. рис. 6.3, кривая 2), которой нет при возбуждении в активаторных полосах поглощения
и которую можно сопоставить с излучением околоактиваторного
экситона. Спектр возбуждения полосы излучения 430 нм представляет собой узкую интенсивную полосу, по спектральному составу
совпадающую с самой коротковолновой полосой поглощения, обна-



PRC.6.3. CHERTPH JERESHOCKEREEN KY-Sh. BOSOYEMBEREN HIDE IO K JO - CHETCH ( I ) - 206, ( 2 ) - 217, ( 3 ) - 255 H ( 4 ) - 225 HM.

руженной нами в работе /218/ - 216 нм при 10 К, 218 нм при 80 К.

Сопоставление поляризационных дамных с формой спектров поглощения и возбуждения дает основания для разделения  $\mathcal{D}$ -области на 6 отдельных полос:  $\mathcal{D}_{A}$  (267 нм),  $\mathcal{D}_{2}$  (255 нм),  $\mathcal{D}_{3}$  (240 нм),  $\mathcal{D}_{4}$  (227 нм),  $\mathcal{D}_{5}$  (221 нм) и  $\mathcal{D}_{6}$  (216 нм) (значения максимумов приводятся для ТЖГ). При таком делении  $\mathcal{D}$  - области на 6 полос можно заметить, что в отдельных  $\mathcal{D}$  -полосах с разной эффективностью протекают процессы преобразования энергии разного типа.

Облучение в полосах  $D_{1} - D_{2}$  приводит к активаторному излучению, причем соотношение интенсивности активаторных полос при возбуждении в пределах пар полос поглощения  $\mathcal{D}_{4}$  и  $\mathcal{D}_{2}$  . а также  $\mathcal{D}_3$  и  $\mathcal{D}_\mu$  остается постоянным. На рис. 6.3. для в качестве примера приведены спектры излучения, возбуждаемые в полосах  $\mathcal{D}_2$  (кривая 3) и  $\mathcal{D}_4$  (кривая 4). Облучение кристалла в полосе Д\_ и запасанию активаторной светосумым наряду с очень слабой активаторной ломинесценцией. И наконец, возбуждение в полосе  $\mathcal{D}_6$  вызывает излучение околоактиваторного экситона, обеспечивающее появление полосы 430 нм. Заметим, что в районе 206 нм, расположенном в коротковолновом краю экситонного пика (расположенного при 211 ны при ТЖ, 213 ны при T и не входящем в  $\mathcal{D}$  -область, возбуждается излучение с максимумом 420 нм (ТЖГ), на рис. 6.3 - кривая І. При обсуждении происхождения полосы 420 ны было сделано предположение, что она возникла в результате перекрывания областей возбуждения полос излучения 430 нм (возбуждение 216 нм) и т.н. Ед полосы 410 нм (которая возбуждается в экситонном пике 211 нм). Однако предварительные кинетические измерения показали, что время затухания постоянно на протяжении всей полосы излучения

420 нм, что указывает на ее элементарность. Сходство спектров излучения — близкое расположение и форма полос, возбуждаемых на коротковолновом (206 нм) и длинноволновом (216 нм) краях экситонного пика, наводят на мысль об их аналогичном происхождении. Возможно, что и на коротковолновом крае экситонной полосы находится " Д -образная" полоса, обусловленная поглощением околоактиваторного экситона в некоторых условиях, чье возбуждение заканчивается характерным для него излучением 420 нм.

### 6.3. Интерпретация Д -полос поглощения

Экспериментальные результаты показывают, что  $\square$  -область поглощения, относящаяся к  $Sh^{2+}V_c^*[110]$  центрам в кристалле KY-Sh, состоит из 6 полос. Для того, чтобы объяснить возможность существования такого числа полос, обратимся к схеме бликайшего окружения диполя  $Sh^{2+}V_c^*[110]$ , изображенного на рис. 6.4.

В первую анионную сферу, окружающую ион  $Sn^{2+}$ , входят 6 нонов иода  $\mathcal{F}$ . Т.к. ось диполя  $Sn^{2+}$  направлена по оси  $C_2$ , общее количество ионов иода из первой анионной сферы делится на три группы (обозначенные (а, б, в) на рис. 6.4.), различающиеся по расстоянию до катионной вакансии. Возмущение из-за наличия вакансии вызывает сдвиг полосы поглощения в коротковолновую сторону по сравнению с центрами без вакансии: чем меньше расстояние от иона иода до вакансии, тем более коротковолновая полоса ему соответствует.

Такой эффект можно пояснить следующими рассуждениями. Присутствие катионной вакансии вызывает повышение уровней энергии основного и возбужденного состояний иона иода. Т.к.

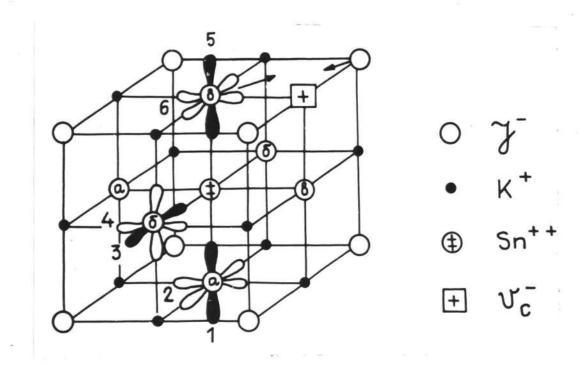


Рис. 6.4. Подель одинайнего окружения центра Sh V<sub>c</sub> [110], иллострирунцая происхождение шести полос D - поглащения. Показены P- орбиталы (I-6) возбузденного состояния нонов Д в трех положениях (a, d, b) относительно катионной вексисии.

волновая функция возбужденного состояния более протяженная, и ближе находится к  $\mathcal{N}_{c}$ , то она в большей степени испытывает возмущающее действие  $\mathcal{N}_{c}$ , поэтому энергетический уровень возбужденного состояния смещается на большую величину, чем уровень основного состояния. Энергетическое расстояние между уровнями, определяющее спектральное положение  $\mathcal{D}$  -полосы в присутствии  $\mathcal{N}_{c}$  будет больше, чем в случае околоактиваторного иона иода, не испытывающего дополнительного возмущения со стороны  $\mathcal{N}_{c}$ . Этот эффект усиливается по мере приближения иона иода к катионной вакансии.

Наличие шести  $\mathcal{D}$  полос, попарно связанных в три группы, согласно поляризационным исследованиям, может быть объяснено расщеплением нижнего возбужденного состояния иона  $\mathcal{C}$  в каждой из указанных трех групп (a, б, в).

мон У имеет электронное строение, сходное с инертными газами: внешняя оболочка полностью завершена. Нижнее возбухденное состояние У имеет Б в конфигурацию (терм 3 Р ), волновой функции которой соответствуют три взаимно ортогональные р орбитали /224/. Орбиталь, направленная на активатор, испытывает возмущающее действие, ее энергия понижается. Происходит расщепление 3 состояния на два компонента: орбиталь, направленная на активатор, имеет меньшую энергию, чем орбитали, направленные на ионы калия. Таким образом, три группы ближайших к м иону анионов при возбуждении обуславливают 6 полос поглощения в Д области. Нумерация орбиталей околоактиваторных ионов иода на рис. 6.4. соответствует нумерации обусловленных ими полос поглощения на рис. 6.1.

В рамках предложенной модели можно объяснить свойства отдельных Д -полос.

Возбуждение ионов иода в положении (а) и (б) на рис. 6.4. соответствует поглощению в полосах  $\mathcal{D}_{4}$  =  $\mathcal{D}_{4}$  и приводит в основном к передаче энергии возбуждения активатору, завершающейся активаторным свечением. Знак степени поляризации активаторной люминесценции в пределах каждой пары  $\mathcal D$  -полос обусловлен различной ориентацией орбиталей относительно активатора, а также, очевидно, и тем, что передача энергии непосредственно активатору осуществляется только с нижнего компонента расщепленного Д - состояния, орбиталь которого ориентирована на ион активатора. Этой орбитали соответствует длинноволновая полоса ( $\mathcal{D}_1$  и  $\mathcal{D}_3$  ) в парах связанных полос. Возбуждение активаторной люминесценции в коротковолновой полосе пары (  $\mathcal{D}_{2}$ и  $\mathcal{D}_{\!\scriptscriptstyle L\!\! L}$  ) происходит косвенно через заселение этого низкоэнергетического компонента. Этот механизм передачи энергии подтверждается тем, что при возбуждении в пределах одной пары полос поглощения ( $\mathcal{D}_1$  и  $\mathcal{D}_2$ ), ( $\mathcal{D}_3$  и  $\mathcal{D}_4$ ) соотношение интенсивности полос активаторного излучения не меняется, тогда как возбуждение в разных парах приводит к изменению формы спектра активаторного излучения.

Из рис. 6.І видно, что при изменении длины волны возбуждения, соответствующем переходу от  $\mathcal{D}_4$  полосы поглощения к  $\mathcal{D}_2$ , знак степени поляризации при выделении издучения 575 нм (кривая 8) меняется с "плюса" на "минус", а при переходе от  $\mathcal{D}_3$  к  $\mathcal{D}_4$  — наоборот, с "минуса" на "плюс". При выделении излучения 450 нм (кривая 9) наблюдается антибатный ход поляризационной зависимости. Противоположный характер изменения знака в паре ( $\mathcal{D}_3$ ,  $\mathcal{D}_4$ ) по сравнению с парой ( $\mathcal{D}_4$ ,  $\mathcal{D}_2$ ) можно объяснить тем, что в процессе передачи энергии активатору от состояний  $\mathcal{D}_4$  и  $\mathcal{D}_3$  по разному заселяются активаторные  $\mathcal{C}$ —состояния (например, при  $\mathcal{D}_4$  возбуждении

заселяются высокоэнергетические C -состояния, а при  $\mathcal{D}_3$  - низкоэнергетические C -состояния, энак поляризации их различается, это видно из рис. 6.3 - кривые 8,9 в области 280-320 нм).

К другому результату приводит возбуждение иона иода, ближайшего из рассмотренных к катионной вакансии, расположенного в позиции (в) на рис. 6.4. Он обуславливает полосы поглощения  $\mathcal{D}_{\mathcal{E}}$  и  $\mathcal{D}_{\mathcal{E}}$ . Возбуждение в этих полосах приводит к слабому активаторному свечению, но, кроме того, в  $\mathcal{D}_{\mathcal{E}}$  полосе происходит запасание активаторной светосуммы, а в  $\mathcal{D}_{\mathcal{E}}$  —полосе — возбуждение полосы 430 нм, которая связана с излучением околоактиваторного экситона. Вероятно, нахождение орбиталей (типа 6) в одной плоскости с катионной вакансией и кратчайшее расстояние до нее способствуют образованию двухгалоидной квазимолекумы в возбужденном состоянии — околоактиваторного молекулярного экситона, который релаксирует с испусканием характерного для него измерения 430 нм.

Полосы поглощения  $\mathcal{D}_A$ - $\mathcal{D}_6$  относятся к возбуждению ионов иода из первой анионной сферы относительно активатора. Можно предположить, что ионы иода из второй анионной сферы (или некоторые из них, отличающиеся выделенным положением относительно  $\mathcal{V}_{c}$ ) также могут обусловить полосы поглощения. В связи с этим предположением напомним о том, что возбуждение кристалла в коротковолновом краю экситонной полосы (206 нм) приводит к слабому активаторному свечению и излучению полосы 420 нм, подобно тому, как возбуждение в полосе  $\mathcal{D}_{c}$  вызывает наряду со слабым активаторным свечением полосу излучения 430 нм. Возможно, что на коротковолновом краю экситонного пика находится  $\mathcal{D}_{c}$  —образная" полоса, обусловленная поглощением ионов иода из второй анионной сферы, не проявляющаяся в спектре поглоще-

ния из-за перекрывания с сильной экситонной полосой.

#### 6.4. Выводы

- I. D -область кристалла КУ-Я в основном обусловлена возбуждением ионов иода в первой анионной срере, окружающей ион активатора  $8n^{2+}$ , входящий в состав ассоциата  $8n^{2+}$  [IIO].
- 2. Различная степень возмущающего влияния катионной вакансии в зависимости от положения иона иода (3 разных положения) и направление электронных орбиталей (двух компонентов расщепленного состояния ионов иода) обуславливают энергетическое положение шести  $\mathcal{D}$  полос ( $\mathcal{D}_1$  267,  $\mathcal{D}_2$  255,  $\mathcal{D}_3$  240,  $\mathcal{D}_4$  227,  $\mathcal{D}_5$  221,  $\mathcal{D}_6$  216 ни при ТШ).
- 3. Возбуждение в  $\mathcal{D}_{A}$ - $\mathcal{D}_{A}$  полосах, соответствующих более удаленным от катионной вакансии ионам иода из первой анионной сферы приводит к активаторной люминесценции. Возбуждение в  $\mathcal{D}_{5}$  и  $\mathcal{D}_{6}$  полосах, соответствующих более близкому к катионной вакансии иону иода, приводит наряду со слабой активаторной люминесценцией к запасанию активаторной светосуммы ( $\mathcal{D}_{5}$ -) и излучению молекулярного околоактиваторного экситона в полосе 430 нм ( $\mathcal{D}_{6}$ ).

### 7. ДЕВЕСТООБРАЗОВАНИЕ ПРИ ОКОЛОАКТИВАТОРНОМ ВОЗБУЖДЕНИИ

В предыдущей главе было указано, что в одной из D -полос ( $D_5$  - 221 ны при ТЫГ, 224 ны при ТЫА) кристалла KJ-Sn происходит запасание антиваторной светосумым. В настоящей главе остановимся на рассмотрении этого процесса. Однако, прежде чем описывать процесс запасания активаторной светосуммы в кристалле KJ-Jn , происходящий при облучении кристалла в  $D_5$  полосе, отметим, что подобное явление наблюдалось нами в кристалле КЈ-71 . В кристалле КЈ-71 активаторный центр имеет более простую структуру бликайшего окружения, чем в КЛ-Уп . околоактиваторные ионы иода из одной координационной сферы равноценны, и интерпретация процесса деректообразования, в результате которого происходит запасание антиваторной светосуммы, представляется более простой. Кажется целесообразным изложить предварительно результаты исследования более простой системы KJ-71 , а затем вернуться к более сложному объекту исследования - кристаллу КЛ-Sn . Глава 7 построена следующим образом: I раздел посвящен описанию процесса дефектообразования при околоантиваторном возбуждении в кристалле КЈ-71 . а 2 раздел - в кристалле KJ-Jn .

- 7.1. дефектообразование при околоактиваторном возбуждении в кристалле KJ-Sn
- 7.1.1. Фотостимулированная ломинесценция кристалла КЛ-7/

0 том, что в кристалле KJ-Tl при низких температуррах (80 К) происходит запасание активаторной светосумы, было известно уже раньше / 59-61 /. Светосумы запасается при облучении в областях поглощения: зона-зона, экситонном пике

(211 нм при ТЖГ), интенсивной полосе 215 нм (  $D_2$  ) и в более слабой полосе 233 нм ( C ). Освобождение светосумым в виде оптической вслышки (другими словами — фотостимулированная ломинесценция ФСД) происходит при облучении кристалла с предварительно запасенной светосуммой светом из красного или инфракрасного района. В нашей работе /2/9/ было показано, что свойства оптической вслышки, возбуждаемой в полосах 215 и 233 нм, сходны, но принципиально отличаются случаи возбуждения вне области спектра поглощения, обусловленной присутствием активатора. Т.к. нас интересует случай околоактиваторного возбуждения кристалла, то ограничимся рассмотрением свойств светосуми, запасенных при облучении кристалла KJ-Tl в  $D_2$  полосе поглощения (имея ввиду, что картина аналогична при облучении кристалла в  $\ell$  —полосе).

Методика измерения спектров стимуляции, спектрального состава вспышки и поляризационных свойств изложена в 4 главе. Запасание и высвечивание вспышки всегда проводилось при одной и той же температуре: 10 или 80 К.

На рис. 7.1 приведены спектры стимуляции, характеризующие спектральный состав стимулирующего света, для 80 и 10 К при возбуждении в  $D_2$  и C полосах. На этом же рисунке для сравнения приведены спектры стимуляции активаторного свечения при возбуждении в области зона-зона и экситонного поглощения. Из анализа спектров стимуляции можно сделать следующие заключения.

- I. Как при 80, так и при I0 К спектры стимуляции одинаковы для случаев возбуждения в  $D_2$  и C полосах.
- 2. Спектры стимуляции не зависят от выделяемой спектральной области стимулированной ломинесценции.
- 3. Спектры стимуляции сложные состоят из нескольких попос, причем число полос увеличивается с понижением температуры:

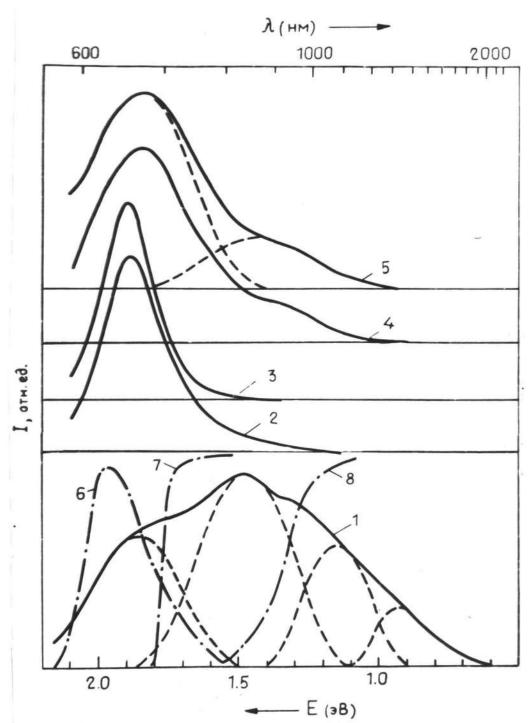


Рис.7.І. Спектры стилульным вельним КУ-ТІ, запасенной при 10 К облучением в областях 215 и 233 нм (1), при 80 К в областях 200 нм (3), 218 нм (4) и 233 нм (1), (6,7,8) — пропускание фильтров, используемых в поляризацияниях измерениях.

при 70 К наблюдаются две полосы 670 и 850 нм; при IO К - 4 полосы: 670, 850, IIOO и I400 нм.

4. Спектры стимуляции для случая предварительного облучения кристалла в  $D_2$  и C полосах существенно отличаются от случая предварительного облучения в экситонной области и зоназона: наиболее коротковолновая полоса стимуляции не совпадает с F -полосой, контур которой описывает спектр стимуляции при экситонном облучении.

Из спектров ФСЛ, измеренных при 80 и 10 К, и приведенных на рис. 7.2, следует, что кроме полос, соответствующих активаторному A. -излучению (425 нм ( $A_X$ ) при 80 и 430 нм ( $A_X$ ) и 335 нм ( $A_T$ ) при 10 К), наблюдаются еще две более слабые полосы 375 и 400 нм. Доля этих полос по сравнению с активаторной люминесценцией возрастает с понижением температуры. Форма спектров стимулированной люминесценции не зависит от области высвечивания и почти совпадает для случаев облучения в  $D_2$  и C -полосах поглощения (при C -облучении отсутствует полоса излучения 375 нм).

Принципиальный интерес представляет измерения поляризащионных свойств оптической вспышки. В 4 главе приведена схема установки с тремя поляризаторами П, , П2 , П3 в возбуждаощем, стимулирующем и регистрирующем каналах (рис. 4.1) и введено понятие поляризационный выброс — ПВ, используемое в методике измерения поляризационных свойств ФСЛ.

В работе проводились три типа поляризационных исследований:

I. Констатировалось наличие ПВ при изменении положения  $\Pi_2$  на 90° на короткий промежуток времени после некоторого времени высвечивания. Исходная позиция  $\Pi_2$  выбиралась та-

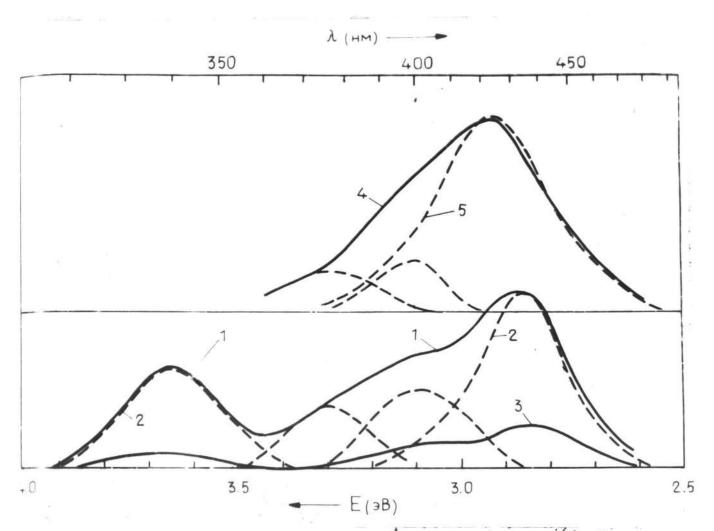


Рис.7.2. Спектры станулированной лиминесценции Ку-ТЕ при 10 к (сверку) и 80 к (снизу), запасенной облучени-ем в  $\mathbb{O}_2$  полосе (215 или 218 нм) (1,4) или в  $\mathbb{C}$ -полосе (233 нм) (3). (2,5) — спектры излучения при возбуждении в  $\mathbb{A}$  —полосе активаторного поглощения.

кой, что электрический вектор поляризации стимулирующего света составлял угол  $\beta = 0^0$  (90°) или  $45^0$  (- $45^0$ ) с вертикалью. Такой тип измерений позволяет выявить анизотропию центров, ответственных за поглощение стимуляции (если таковая имеет место) и установить ось симметрии этого центра. При благоприятном начальном положении поляризатора преимущественно высвечиваются центры соответствующей ориентации, и после изменения положения поляризатора на  $90^0$  сигнал увеличивается — наблюдается ПВ.

- 2. Исследовалась зависимость ПВ от положения №, определяющего угол . Наличие такой зависимости указывало бы на близкое расположение центров, поглощающих УФ свет, к центрам, поглощающим стимулирующее излучение.
- 3. Исследовалась зависимость ПВ от положения  $\Pi_3$  (т.е. от угла  $\gamma$  ) при фиксированном положении  $\Pi_1$  и  $\Pi_2$  . Поляризованное стимулированное излучение в этом случае свидетельствовало бы о близком расположении центров, излучающих и стимулирующих светосумму, котя отсутствие зависимости от положения  $\gamma$  не означало бы отсутствие такой близости, т.к. поляризация может теряться в процессе передачи энергии. Для такого типа измерений  $\alpha$  помещалось в положение  $\alpha$  и  $\alpha$  (см. рис. 4.1). Позиция  $\alpha$  применялась в случае, когда в излучении выделялась тетрагональная полоса  $\alpha$  нь,  $\alpha$  устанавливался вертикальной полосы  $\alpha$  нь,  $\alpha$  устанавливался вертикальной полосы  $\alpha$  нь,  $\alpha$  устанавливался под углом  $\alpha$  =  $\alpha$  варианте  $\alpha$  после облучения между монохроматором и кристаллом помещалось зеркало, отражающее стимулированную люминесценцию в направлении  $\alpha$  .

Поляризационные измерения ФСЛ в KJ-7/ дали следующие результаты:

- I. Поляризационные свойства совпадают при запасании светосумы в  $D_2$  и C полосах поглощения.
- ПВ наблюдается только при ІО К при высвечивании в полосах стимуляции 670 и 850 нм.
- 3. ПВ для полосы стимуляции 670 нм имеет место только для начального положения  $\Pi_2$ , соответствующего  $\beta = 45^\circ$ ; ПВ для полосы 850 нм наблюдается только для  $\beta = 0^\circ$  (90°).
- 4. ПВ наблюдается как при выделении полосы излучения 335 нм, так и 430 нм.
- 5. ПВ зависит от положения  $\Pi_1$  (от угла  $\infty$  ) только при стимуляции 670 нм и положения  $\Pi_2$  под углом  $\beta$  = 45°, причем ПВ имеет минимальное значение, если  $\Pi_1$  ориентирован параллельно начальной позиции  $\Pi_2$ , и максимальное значение, если  $\Pi_1$  повернут относительно  $\Pi_2$  на 90°.
- 6. Величина ПВ не зависит от положения  $\Pi_3$  (от угла  $\gamma$ ) ни для одной из активаторных полос, т.е. стимулирования ло-минесценция не является поляризованной.
  - 7.1.2. Низкотемпературный механизм запасания светосуммы в  $D_2$  полосе поглощения кристалла KJ- $T\ell$  и ее высвечивания

Совокупность полученных результатов указывает на то, что три составные части процесса, связанного с облучением в  $D_2$  полосе поглощения кристалла  $KJ-\mathcal{H}$  при низких температурах — запасание, стимуляция и излучение ФСЛ — происходят в близко расположенных элементах кристалла в окрестности примесного иона.

в основе предлагаемого механизма запасания светосумма в  $\mathcal{D}_{\mathcal{S}}$  полосе поглощения лежит предположение, высказанное

впервые в теоретической работе Кристоффеля / 178 / для КСС-ТС о том, что бликайшие к активатору анионы могут иметь локальные основные уровни, расположенные над валентной зоной. Выпапение локальных уровней в запрещенную зону обусловлено внутренней электронной структурой иона таллия. Такой уровень может служить стабильной околоактиваторной ловушкой для дырки. Относительно локализации уровней ионов калия из бликайшего активеторного окружения не известны теоретические расчеты, однако, логично предположить, что особенности электронного строения мона таллия могут привести к созданию также локальных уровней этого типа. Кроме того, такие уровни могут возникнуть в том случае, если анионный локальный уровень окажется опустошенным, или другими словами - занят дыркой. Соответствующий ему атом галоида будет иметь относительно решетки положительный заряд, что может вызвать понижение энергетических уровней у бликайших и нему катионов, т.е. выход их из зоны проводимости. Чем ближе катион к атому галоида, тем глубже соответствующая ему электронная ловушка. Таким образом, в окрестности иона таллия возможно возникновение локальных уровней двух типов (донорных и акценторных) в запрещенной зоне, на которых происходит запасание светосумм.

В статье /62/ было высказано предположение, что возбуждение в  $D_2$  полосе соответствует возбуждение ионов иода во второй катионной сфере, расположенных в направлении [///] относительно активаторного иона  $\mathcal{T}^{\prime}$  (в то время как  $D_4$  полоса соответствует возбуждение иона иода из первой анионной сферы). Таким расположением возбуждаемого иона иода относительно активатора можно объяснить, почему ПВ зависит от положения  $D_4$  только для угла  $\infty = 45^\circ$ .

От возбужденного иона иода туннельным путем электрон может перейти на электронные ловушки: как на ион таллия, так и на ионы калия, окружающие активатор. При этом ион иода, терящий электрон, превращается в атом иода, а ионы калия и таллия, принимающие электрон, превращается в атомы калия и таллия. Создается пары близких дефектов  $\mathcal{F}^0$ -  $\mathcal{F}^0$  и  $\mathcal{F}^0$ -  $\mathcal{K}^0$ . Таким образом, запасание светосумым в  $\mathcal{D}_2$  полосе сводится и запасанию близких атомных дефектов в окрестности активатора. На рис. 7.3 предложенный механизм запасания изображен схематически.

По расстояние до атома иода 7°12 бликайших к активатору ионов калия из первой катионной среры разбивается на 3 группы, обозначенные на рис. 7.3 циррами 1.2.3. Каждая группа обладает характерной глубиной ловушки для электрона, оторвавшегося от возбужденного иона иода. Глубина ловушки тем больше, чем ближе к атому иода расположена данная группа ионов калия. При более высоких температурах происходит заселение электронной ловушки из ближайшей группы, с понижением температуры становится возможным заселение более мелких ловушек.

Высвечивание светосуммы соответствует обратному переходу электрона с атома таллия 71° или атома калия К° на атом иода (см. рис. 7.3). Энергия кванта стимулирующего света (из красного или инфракрасного района), сообщенная электрону, "сидящему" на ловушке, оказывается достаточной для его освобождения и возвращения на исходный атом иода. Каждая полоса в спектре стимуляции соответствует возбуждению атомов таллия или калия определенной группы и последующим переходам электрона на атом иода. Не исключено, что инфракрасные полосы стимуляции IIOО и I4OО ны соответствуют переводу электронов из мелких ловушек в зону проводимости. Более стабильным ато-

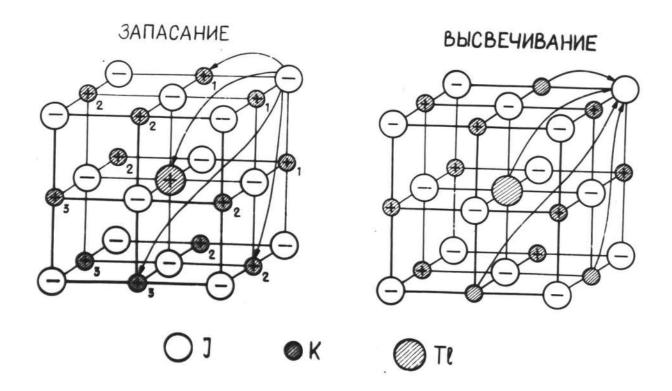


Рис. 7.3. Модель механизма запасания и висвечивания активаторной всиники Кутте при облучении кристалиа в  $D_2$  и С полосах потлощения при низких температурах. Четире типа электронных переходов состветствуют разным полосам стимуляции.

мам, т.е. более глубоним ловушнам, соответствуют более коротковолновые полосы стимуляции. При ТЖА только два типа электроним ловушен играют роль в процессе освобождения запасенной энергии — две полосы наблюдаются в спектре стимуляции (670 и 850 нм), а при ТЖТ — 4 типа, которым соответствуют 4 полосы стимуляции (670, 850, 1100, 1400 нм).

Поляризационные свойства стимулированной ломинесценции позволяют сопоставить между собой пары дефектов и полосы стимуляции. По нашему мнению, в порядке стабильности пары расположены следующим образом: наиболее стабильная пара  $J^o - T \ell^o$  (рис. 7.3. ) ориентирована по оси третьего порядка, ей соответствует полоса стимуляции 670 нм, следуощая пара  $J^o - K_1^o$  ориентирована по оси четвертого порядка, ей соответствует полоса стимуляции 650 нм, и, наконец,  $J^o - K_2^o$  и  $J^o - K_3^o$  пары с полосами стимуляции 1100 и 1400 нм; в этих полосах поляризация не обнаружена.

В результате высвечивания восстанавливается решетка в бликайшем окружении  $\mathcal{T}_{\ell}^{+}$ , а ион нода  $\mathcal{T}_{\ell}^{-}$  вторично оказывается в возбужденном состоянии, но уже на более низком уровне. Девозбуждение иона иода заканчивается излучением околоактиваторного экситона в полосе 400 нм, а также частичной передачей энергии активаторному иону  $\mathcal{T}_{\ell}^{+}$  с последующим испусканием активаторной люминесценции в полосах 335 и 400 нм.

Вторая слабая полоса 375 нм, проявляющаяся в спектре  ${\tt QCII}$ , соответствует излучению локализованного экситона в бездефентной решетке. Ее появление можно объяснить чисто экситонными процессами, поскольку полоса  $D_2$  перекрывается с экситонной полосой поглощения.

Предложенный нами механизм запасания при  $D_{\mathsf{2}}$  облучении

и высвечивания светосумы в кристалле *КJ-Т* может осуществляться параллельно с другими процессами, например, образованием *F*, *H* и других деректов, которые, однако, не играют существенной роли в запасании активаторной светосумы при низ-ких температурах.

# 7.2.1. Фотостимулированная ломинесценция кристалла КЛ-Sи

После изложения результатов исследования запасания в D области и высвечивания активаторной светосуммы в простой системе KJ-Tl вернемся к обсуждению аналогичных процессов в
интересуощем нас кристалле KJ-Sn. В данном разделе будет
дана характеристика светосуммы, созданной при облучении кристалла KJ-Sn в D -области (а именно, в  $D_5$ -полосе); эти
данные описаны нами в работе /221/.

Оптическая схема для исследования ФСЛ кристалла *КЈ-Уп* такая же, как и для исследования кристалла *КЈ-ТІ*, она описана в главе 4.

Основные результаты исследования низкотемпературной вспышки КJ-Sn (при 10 и 80 К) отражены на рис. 7.4. Отметим ряд особенностей этого процесса:

I. Спектр создания вспыти не зависит от длины волны высвечивающего света в районе 600-I200 нм и состоит из двух полос: интенсивной коротковолновой полосы, соответствующей  $D_5$  полосе поглощения (224 нм при 80 К и 221 нм при I0 К) и слабой полосы 270 нм (см. рис. 7.4 – I,2). Полоса 270 нм возрастает после продолжительного облучения светом 224 нм и последующего оптического высвечивания, поэтому ее следует связать не с D – полосами  $Sn^{2+}v_c$  [II0] центров, а с поглощением каких-то дру-

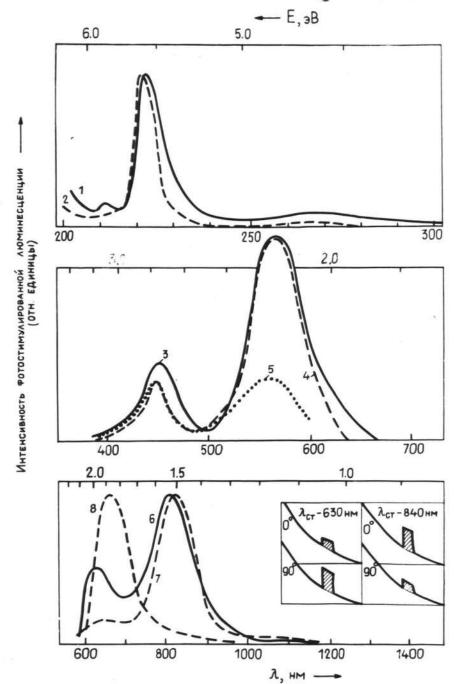


Рис.7.4. Спектры создания активаторной вслении (520нм) в при Ку-Sh (630(1) или 840(2).Спектры оптически стимулированной вслении, запасенной облучением 224(3) или 221нм (4,5) при Астим. 840(3,4) или 630(5). Спектры оптической стимульним активаторной вслении (520нм), созданной облучением 224(6), 221(7), и 203 нм (8).(1,3,6,8) — 80К; (2,4,5,7) — 10К. Внизу вставка — поляризационный выброс (ПВ).

тих активаторных центров, число которых растет по мере облучения в полосе 224 нм. Спектральный состав светосумы, спектр стимуляции и некоторые другие свойства при запасании в полосе 270 нм отличаются от случая запасания в  $D_5$  полосе  $Sn^{2+}v_c$ [IIO] центров. При дальнейшем изложении будем рассматривать в основном процессы запасания и высвечивания, относящеся к  $Sn^{2+}v_c$  [IIO] центрам.

- 2. Спектральный состав светосумым (см. рис. 7.4 3.4.5), запасенной облучением в  $D_5$  полосе и высвеченной светом из области 600-900 нм, соответствует излучению диполей  $Sn^{2+}v_c$  [110]: полоса 560 нм является  $A_T$ , а полоса 450 нм C из-лучением центра (эти же полосы наблюдаются при непосредственном возбуждении  $Sn^{2+}v_c$  [110] центров в  $D_1 D_4$  полосах). От длины волны высвечивающего света зависит соотношение полос в спектре вспашки: при высвечивании светом 650 нм доля A полосы (560 нм) больше, чем при высвечивании светом 630 нм.
- 3. Спектры стимуляции (см. рис. 7.4 6.7) при запасании светосуммы в  $D_5$  полосе состоят из полос 620, 820 и слабой полосы 1050 нм. Полоса стимуляции 1050 нм оказалась связанной с активаторными центрами другого типа, обуславливающими полосу 270 нм в спектре создания.

Ни один из максимумов в спектре стимуляции светосуммы, созданной в  $D_5$  полосе, не совпадает с максимумом F -полосы в кристалле KJ, тогда как после облучения в области зоназона спектр стимуляции практически совпадает с F -полосой, как видно из рис. 7.4-8.

4. При стимуляции в полосе 820 нм оптическая вспынка имеет вид затухающего импульса, состоящего из трех экспоненциальных компонентов разной длительности. Был ориентировочно оценен вклад каждого из компонентов в суммарную светосумму;

соотношение компонентов в порядке возрастания  $\mathcal{I}$  0,65: 0,25: 0,10. Время затухания каждого компонента зависит от интенсивности высвечивающего света. Для наиболее быстрого и интенсивного компонента установлена обратно пропорциональная зависимость  $\mathcal{I}$  от интенсивности стимуляции  $\mathcal{I}$ , отраженная на рис. 7.5. Именно этот компонент определяет в основном поляризационные свойства, проявляемые вспышкой, созданной в полосе и высвеченной при стимуляции 820 нм.

- 5. Поляризационные свойства активаторной вспышки, созданной облучением в  $D_5$  полосе, проявляются в целом ряде особенностей:
- а) При стимуляции в полосе 820 нм ПВ наблюдаются при начальном положении  $\mathcal{T}_2$ , составляющим с вертикалью угол как  $\beta = 0^{\circ}$  (или  $90^{\circ}$ ), так и  $\beta = 45^{\circ}$  (-45); величина ПВ примерно одинакова в обоих случаях; величина ПВ увеличивается с понижением температуры;
- б) При стимуляции 820 нм и вертикальном положении  $\Pi_2$  (  $\beta = 0^{\circ}$ ) ПВ зависит от положения  $\Pi_1$ : ПВ имеет минимальное значение, если плоскость поляризации высвечивающего света во время выброса совпадает с плоскостью поляризации возбуждающето света;
- в) При стимуляции в полосе 620 нм ПВ наблюдается только при положении  $\Pi_2$ , составляющим с вертикалью угол  $\beta = 0^\circ$  (или  $90^\circ$ );
- г) При стимуляции 620 нм ПВ зависит от положения  $\Pi_1$ :
  ПВ имеет максимальное значение, если плоскость поляризации
  высвечивающего света во время выброса совпадает с плоскостью
  поляризации возбуждающего света (т.е. противоположным образом,
  чем при стимуляции 820 нм);

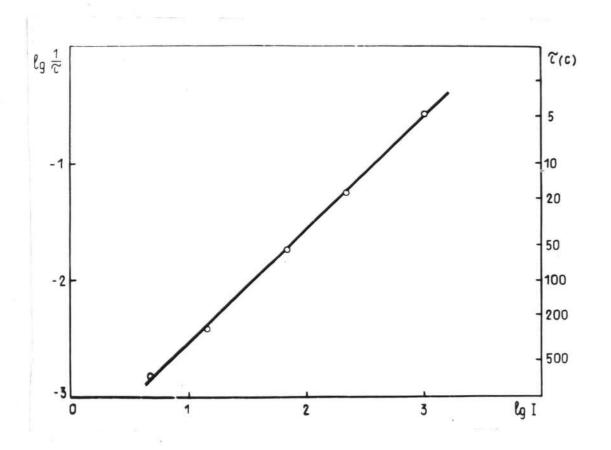


Рис. 7.5. Зависимость времени затухания быстрого компонента активаторной вспышки Ку - Sn , запасенной обдучением светом 224 нм, от интенсивности стимулирующего света 820 нм. Температура запасания и высвечивания - 80 К.

д) При высвечивании в полосе 820 нм и регистрации активаторной полосы 450 нм наблюдается ПВ, если при вертикальном положении  $\mathcal{I}_2$  (  $\beta$  = 0°) и любом положении  $\mathcal{I}_4$  изменить угол  $\gamma$ , определяющий положение  $\mathcal{I}_3$ , с 90° на 0°. При других значениях  $\beta$  ПВ имеет меньшее значение и отсутствует при  $\beta$  = 90°.

На основании анализа поляризационных свойств  $\Phi$ СЛ можно судить о природе центров, образующихся в результате облучения кристалла KJ-Jn в  $D_5$  -полосе поглощения и обуславливающих появление ПВ.

Поляризационные свойства  $\mathfrak{Q}CJ$  указывают на анизотропию центров, созданных  $D_5$  -облучением. Каждая из полос, наблюдаемых в спектре стимуляции — 620 и 820 нм, обладает характерными анизотропными свойствами. При стимуляции 820 нм ПВ существует для двух вариантов положения  $\mathcal{T}_2$ , как для  $\mathcal{G}=0^\circ$ , так и для  $\mathcal{G}=45^\circ$ . Это означает, что стимулирующий свет 820 нм поглощают два типа центров (по крайней мере), один из которых имеет поглощающий осциллятор, направленный по оси четвертого порядка  $\mathcal{C}_4$ , а другой из них имеет поглощающий осциллятор, направленный по оси третьего порядка  $\mathcal{C}_3$ . При стимуляции светом 820 нм ПВ появляется только при положении  $\mathcal{T}_2$ , соответствующем  $\mathcal{G}=0^\circ$ , что свидетельствует о том, что этот свет поглощают центры, обладающие поглощающим осциллятором, направленным вдоль оси четвертого порядка  $\mathcal{C}_4$ .

Зависимость ПВ от угла  $\alpha$  (т.е. от ориентации плоскости поляризации возбуждающего света) свидетельствует о близости и определенной симметрии взаимного расположения возбуждаемого иона иода и центров, ответственных за стимуляцию: возбуждаемый осциллятор иона иода, направленный вдоль оси  $C_4$ , парал-

лелен поглощающему осциллятору полосы 620 нм и перпендикулярен осциллятору полосы 820 нм.

Зависимость ПВ при  $\beta = 0$  от угла  $\gamma$  означает, что при поляризованном стимулирующем свете излучается поляризованная активаторная светосумма с определенным знаком и степенью по-ляризации. Это свойство возможно при близком расположении в определенной симметрии центров стимуляции и активаторных центров.

В итоге поляризационных измерений можно констатировать, что все центры, обуславливающие процессы запасания и высвечивания светосумы: околоактиваторный ион иода, центры, ответственые за стимуляцию, и активатор — расположены в непосредственной близости друг от друга в определенной геометрической конфигурации.

## 7.2.2. Термостимулированная люминесценция в кристалле KJ-Sn

Исследование термостимулированной ломинесценции (ТСЛ) предварительно облученного в  $D_5$  полосе кристалла  $KJ^-Sn$  позволяет получить дополнительную информацию относительно процессов запасания светосумым. Результаты такой работы отражены в статье /221/. Методика измерений ТСЛ описана в 4 главе, напомним, что облучение кристалла всегда проводилось при 80 К. Основные результаты исследования ТСЛ отражены на рис. 7.6.

I. ТСЛ наблюдается после облучения в области 224 нм (  $D_5$  ) и представляет собой набор из четырех термопиков:  $T_4$  – II3,  $T_2$  – I35,  $T_3$  – I75,  $T_4$  – 205 К. Интенсивность и положение не зависит от температуры облучения (при темпера-

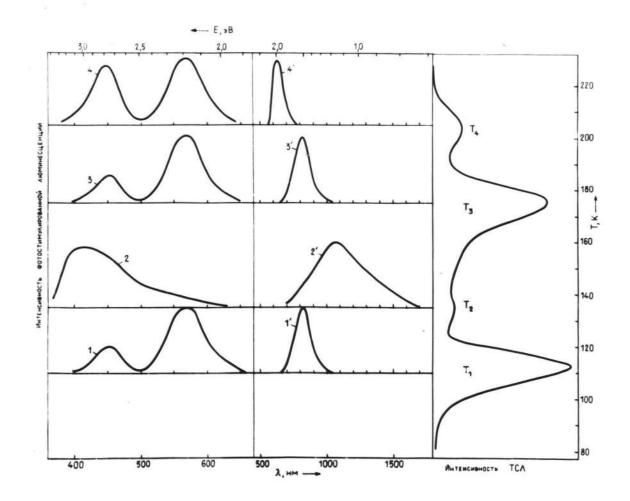


Рис. 7.6. Стимулированная люминесценция КJ-Sn , облученного в D -нолосе поглощения 224 нм при 80 К.Справа - термостимулированная люминесценция, слева - спектры излучения (I-4) и стимуляции (I-4) фотовствики при 80 К, соответствующие разным термопикам.

- турах, не превывающих температуру разрушения данного пика).
- 2. Спектр создания для всех термопиков одинаков и совпадает со спектром создания  $\Phi$ CЛ — имеет максимум 224 нм при ТЖА и 221 нм при ТЖ, что соответствует  $D_5$  полосе поглощения.
- 3. Спектральный состав ТСЛ в пиках  $T_1$ ,  $T_2$  и  $T_3$  одинаков и совпадает со спектральным составом ФСЛ: содержит полосы 450 нм (C) и 560 нм ( $A_T$ ), принадлежащие  $Sn^{2+}v_c^{-1}$  [110] центру. В термопике излучение имеет максимум в районе 400 нм.
- 4. Светосумму, соответствующую каждому термопику можно полностью высчитать оптическим путем.
- 5. Исследовались свойства ФСЛ, соответствующей каждому термопику, результаты такого исследования приведены в левой части рис. 7.6. Термопикам  $\mathcal{T}_4$ ,  $\mathcal{T}_2$ ,  $\mathcal{T}_3$  соответствуют одинаковый спентральный состав ФСЛ, совпадающий со спентральным составом ТСЛ и содержащий полосы излучения 450 и 560 нм. У ФСЛ в пике  $\mathcal{T}_2$  (также как у ТСЛ в пике  $\mathcal{T}_2$ ) спектр иноймаксимум полосы излучения расположен в районе 400 нм. Спектры стимуляции также различны: в термопиках  $\mathcal{T}_4$  и  $\mathcal{T}_3$  представленны полосой 820 нм. в  $\mathcal{T}_2$  полосой 1050 нм, а в  $\mathcal{T}_4$  полосой 620 нм.
- 6. ФСЛ в каждом термопике имеет свое время затухания. Если кристалл облучить в  $D_5$  -области при температуре ниже 90 К и стимулировать в полосе 820 нм, то возникнет оптическая вспышка, содержащая три компонента: наиболее быстрый и интенсивный соответствует термопику  $T_4$ , более медленный термопику  $T_4$ , и самый медленный термопику  $T_4$ . Термопик  $T_4$  появляется при стимуляции 820 нм из-за перекрывания с полосой 620 нм, соответствующей термопику  $T_4$ .
  - 7. На рис. 7.7. приведены результаты исследования за-

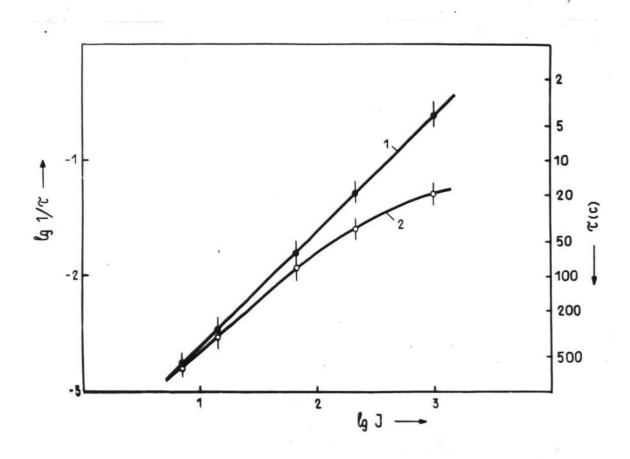


Рис.7.7. Зависимость времени затухания от интенсивности стимулирующего света у оптической вспыки Ку-Sn, запасенной светом 224 нм при 80 к и соответствующей термопикам Т, —II3 к (I) и Т, —I75 к (2).

висимости  $\mathcal{T}$  от интенсивности стимулирующего света I для термопиков  $\mathcal{T}_1$  и  $\mathcal{T}_3$ . Напомним, что в пиках  $\mathcal{T}_4$  и  $\mathcal{T}_3$  спектры стимуляции совпадают и представляют собой полосы 820 нм. Характер зависимости  $\mathcal{T} = f(I)$  различается в  $\mathcal{T}_4$  и  $\mathcal{T}_3$  термопиках:  $\mathcal{T}_4$  прямо пропорционально I, тогда как зависимость  $\mathcal{T}_7$  от I более слабая.

- 8. Для того, чтобы охарактеризовать поляризационные свойства ФСЛ, соответствующей отдельным пикам, примем во внимание, что вспыска, стимулированная в полосе 620 нм, соответствует только термопику  $T_4$ , в то время как вспыска, стимулированная в полосе 620 нм, наблюдается и в  $T_4$  и в  $T_3$  пиках. Термопику  $T_4$  соответствуют поляризационные свойства тетратонального характера, уже описанные для ФСЛ при стимуляции 620 нм. Предварительное термическое разрушение пиков  $T_4$  и  $T_2$  дает возможность исследовать отдельно поляризационные свойства ФСЛ в термопике  $T_3$ . Оказалось, что вспышка в  $T_3$  (также, как и суммарная ФСЛ, стимулированная в полосе 620 нм) обладате смешанными поляризационными свойствами: как тетрагонального, так и тригонального характера. ПВ в  $T_3$  более слабый по сравнению с суммарной вспышкой, причем тетрагональная поляризация примерно в два раза превышает тригональную.
- 9. Все термопики независимы друг от друга. Оптическое или термическое разрушение какого-либо пика не влияет на форму, интенсивность и свойства оставшихся термопиков.
  - 7.2.3. Механизм создания при облучении в  $D_5$  полосе поглощения и высвечивания активаторной светосумым в кристаляе KJ-Sn

Вышеизложенные данные по ФСЛ, а также по ТСЛ, позволяют

предложить механизм создания и высвечивания активаторной вспышки в кристалле КЈ-Ѕп. В основе предлагаемого механизма лекат идеи, высказанные при описании механизма создания и высвеинвания вспышки в кристание КЛ-71 , а именно: при достаточно низкой температуре в присутствии активатора некоторые ионы нода становатся ловушками для дырок, а некоторые ионы калия из окружения диполя - ловушивми для электронов. Запасание светосуммы идет на тех ионах, у которых основные состояния представлены локальными уровнями. По сравнению с простой системой КЛ-ТІ необходимо дополнительно учитывать на процесс "выпадания" в запреденную зону локальных уровней как двойного положительного заряда активатора, так и катионной вакансии. Из самого грубого приближения в рамках только электростатического подхода следует, что все электронные уровни соседних с дефектами нонов иода понижаются под влиянием двойного положительного заряда активатора, а уровни катионов - повышаются. Влияние отрицательно заряженной катионной вакансии на эти ионы - обратное. Поэтому из валентной зоны в запрещенную зону могут попасть уровни ионов лода и калия, расположенные лишь вблизи катионной вакансии. Таким образом, локальные и псевдолокальные (в валентной зоне или в зоне проводимости) уровни ближайших к дефекту монов представляют собой целый набор для одного активаторного центра  $Sn^{2+}V_c$  [110]; вариант его схематически изображен на рис. 7.8. На этом рисунке буквами а, б, в, г обозначены основные уровни ионов иода в положениях, отмеченных подобным образом на фрагменте пристапла на рис. 7.9; буквы д, е, ж соответствуют уровням катионов.

Процесс запасания светосуммы при низких температурах, схематически изображенный на рис. 7.8 и 7.9, представляется следуощим образом. Облучение кристалла в  $D_5$  полосе поглощения

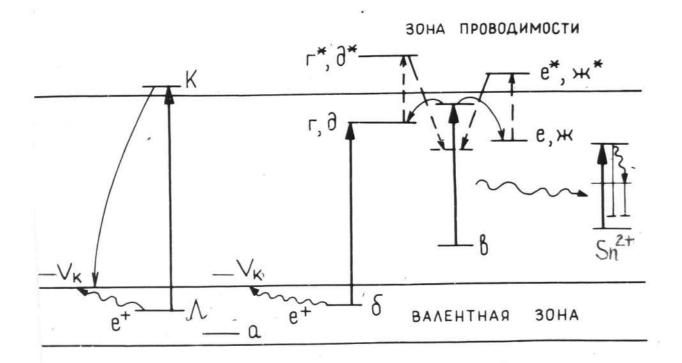


Рис. 7.8. Возможное расположение локальных и квазилокальных состояний элементов волизм диноли  $Sn^*V_c$  и схематического дефектообразования и высвечивания светосумы в KJ-Sh . Буквами обозначени уровни монов соответственно рис. 7.9. Стрелки обозначают: прерывыстие привые — стилулицию; вирокие — возбуждение; в правой части: изогнутие тонкие и прерывистие — тункелирование электронов после возбуждения и стилулиции соответственно, волниятая — резонансную передачу энерким активатору; в левой части: волнистая — дирочную релаксацию с образованием  $V_K$  —центра, изогнутая тонкая — рекомбинацию электрона с  $V_C$  —центром.

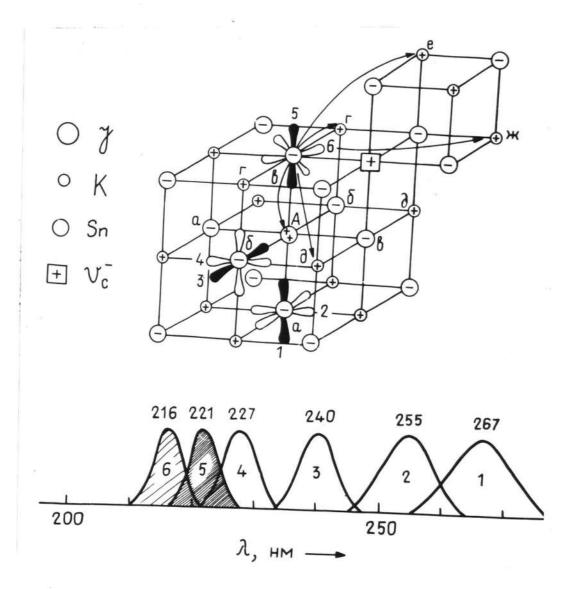


Рис.7.9. Схематичное изображение францента крысталиа вблизи диноли Sn<sup>2</sup> U<sub>c</sub>. (a,d,b) – пари экзивалентных иснов нода в первой координационной офере активатора, (I-6) – р – гантели возбукценных нонов нода, соответствующе D –полосам погиощения, изображения вни-зу рисунка. Стражени показани некоторые из возможных пераходов электрона с возбукценного иона пода(в) на катиони (т,д,е,к). (К) и (Л) – более удаление от катионной вамански элементи.

приводит к возбуждению нижнего компонента расщепленного иона иода из первой координационной сферы, который находится ближе всего к  $V_c$  (на рис. 7.9 такому состоянию соответствует орбиталь 5 у иона иода (в)). Электрон с иона иода переходит на один из соседних ближайших к  $V_c$  ионов калия, либо на двух-зарядный ион активатора  $Sn^{2+}$ . Отметим три положения иона калия из первой катионной координационной сферы относительно  $V_c$  и  $Sn^{2+}$ : (г, д,е) на рис. 7.9. В этих положениях катионы имеют локальные состояния, причем в позициях (г) и (д) на равный, но меньшей, чем для (е) и (ж), глубине от дна зоны проводимости. По всей вероятности, переходы электронов осуществляются туннельным путем на основное состояние атома калия  $K^o$  или иона олова  $Sn^+$ . Потеряв электрон, ион иода превращается в атом  $\mathcal{I}^o$ . В результате образуются пары дефектов  $\mathcal{I}^o$ - $\mathcal{K}^o$  двух типов и  $\mathcal{I}^o$ - $Sn^+$ .

Высвечивание светосумым происходит, если кристаля с запасенными парами дефектов облучить стимулирурщим светом (ФСЛ) или нагреть (ТСЛ). В обоих случаях происходит обратный процесс - переход электрона (туннелирование) на исходный атом иода, только при фотостимуляции атомы калия и ионы олова предварительно возбуждаются оптически, а при термостимуляции - термически. Возбужденный ион иода передает частично энергию возбуждения активатору, который излучает характерную для него люминесценцию в виде вспышки. Рассмотрим процесс стимуляции вспышки для указанных запасенных пар дефектов.

 $\mathcal{J}^o$ - $\mathcal{K}^o$  пары. Возбукдение атомов калия в разных позициях (г, д, е, ж) обеспечивает полоса стимуляции 820 нм. Термопик  $\mathcal{T}_f$  соответствует термическому освобождению электрона с ловушки на атомах калия  $\mathcal{K}^o$ (г) и  $\mathcal{K}^o$ (д). Поляризационные свойства определяются симметрией расположения атомов калия

относительно атома иода. Атомы  $K^o$  (г) обеспечивают наличие IB при поляризации стимулирующего света по оси  $C_4$  (  $\beta=0^\circ$ ), а атомы  $K^o$  (д) — по оси  $C_3$  (  $\beta=45^\circ$ ). Переход электрона с  $K^o$  (г) и  $K^o$  (д) на  $\mathcal{I}^o$  обеспечивает самый быстрый компонент затухания вспынки  $\mathcal{I}_a$ . Термопик  $\mathcal{I}_a$  соответствует рекомбинации пары  $\mathcal{I}^o-K^o$  (е) и  $\mathcal{I}^o-K^o$  (ж). Позиция (ж) обеспечивает появление IB нак для  $\beta=0^\circ$ , так и для  $\beta=45^\circ$ , а позиция (е) — только для  $\beta=45^\circ$ . Рекомбинация в парах  $\mathcal{I}^o-K^o$  (е, ж) обуславливает средний по длительности компонент затухания вспынки  $\mathcal{I}_a$ .

 $\mathcal{J}^{o}$  -  $\mathcal{S}_{n}^{+}$  пара. С переносом электрона с  $\mathcal{S}_{n}^{+}$  иона на атом калия связана полоса стимуляции 620 нм и термопик  $\mathcal{T}_{4}$ . По-явление IIB только при тетрагональной поляризации стимулирующего света (при  $\beta$  = 0°) объясняется расположением пары деректов вдоль оси  $\mathcal{C}_{4}$ . Противоположный характер зависимости IIB от ориентации плоскости поляризации возбуждающего света (от  $\alpha$  ) для пар  $\mathcal{J}^{o}$  -  $\mathcal{S}_{n}^{+}$  и  $\mathcal{J}^{o}$  -  $\mathcal{K}^{o}$  (г) объясняется тем, что оси этих пар направлены перпендикулярно друг другу.

Предлагаемая модель запасания и высвечивания светосуммы, в которой все деректы расположены близко друг от друга в определенной симметрии объясняет все приведенные поляризационные свойства (зависимость ПВ от углов  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ ), а также свойства  $\mathcal T$  и термопиков.

В температурном районе 10-90 К интенсивность оптической вспывки и время ее затухания постоянны, что свидетельствует о близком расположении деректов и туннельном характере электронного перехода с возбужденного состояния  $K^o$  или  $Sn^+$  при стимуляции. При дальнейшем повышении температуры происходит термическое освобождение электронных ловушек в зависимости от их глубины. Двухзарядный активатор  $Sn^{2+}$  проявляет себя

как более глубокая ловушка, чем возмущенный присутствием активаторного центра ион калия  $K^+$  .

Туннельный характер электронного перехода, предполагаемый в обсуждаемом механизме, хорово согласуется с измерениями  $\mathcal{C}_i$  и  $\mathcal{T}_3$  в зависимости от интенсивности стимулирующего света I. Время затухания вспывки  $\mathcal{C}$  складывается из времени протекания отдельных этапов: времени поглощения стимулирующей энергии атомами калия  $\mathcal{C}_{noza}$ , времени туннелирования электрона на атом иода  $\mathcal{C}_{Tyh}$  и времени передачи энергии возбуждения от иона иода к активатору. Самый длительный из этих процессов и обусловит длительность затухания вспывки  $\mathcal{C}$ . Длительность внутрицентровых процессов — не больше милисекунды, поэтому она не сказывается на величине  $\mathcal{C}$ .

Рассмотрим две другие составляющие  $\mathcal{T}$  .  $\mathcal{T}_{norm}$  обратно пропорциональна I , а  $\mathcal{T}_{TyH}$  не зависит от I ; как  $\mathcal{T}_{norm}$  , так и  $\mathcal{T}_{TyH}$  не зависят от температуры. Если туннелируют близ-кие деректы и  $\mathcal{T}_{TyH}$  мало, то  $\mathcal{T}$  определяется только  $\mathcal{T}_{norm}$  и проявляет обратно пропорциональную зависимость от I .

 $\mathcal{T}_{I}$  обратно пропорционально I в пределах трех порядков изменения I (см. рис. 7.7 - I), что свидетельствует о близком расположении дефектов, высвечивающихся туннельным образом в термопике  $\mathcal{T}_{I}$ . При малых значениях I  $\mathcal{T}_{5}$  и  $\mathcal{T}_{1}$  совпадают, т.к. в этом районе интенсивностей  $\mathcal{T}_{0020}$  в термопиках  $\mathcal{T}_{1}$  и  $\mathcal{T}_{3}$  свидетельствует о сходной природе процессов в этих термопиках. При больших значениях I становится заметным отклонение  $\mathcal{T}_{3}$  от обратно пропорциональной зависимости, что возможно, когда  $\mathcal{T}_{790}$  становится сравнимым с  $\mathcal{T}_{0020}$ . Этот факт также подтверждает предложенный механизм, согласно которому в пике  $\mathcal{T}_{3}$  происходит туннельный переход в паре дефект

тов, разнесенных на большее расстояние, чем в случае 7, .

Что касается термопика 7, то ясно, что обусловивший его процесс щзапасания и высвечивания светосумым не связан с возбуждением  $J^-$  в окрестности  $Sn^{2+}v_c^-[110]$  центра. Об этом свидетельствует спектральный состав ТСЛ (максимум полосы излучения в районе 400 нм), а также свойства ТСЛ в этом пике (спектральный состав ФСЛ - полоса 400 нм, спектр стимуляции с максимумом 1050 нм). Число центров, ответственных за 72 , увеличивается при облучении в  $D_5$  -полосе (число  $Sn^{2+}v_c$  [110] центров при этом уменьшается) - это говорит о том, что обсуждаемые центры являются производными от  $Sn^{2+}v_c^-[110]$  центров, образующимися в результате воздействия УФ облучения. Исходное соотношение центров восстанавливается после нагревания кристалла до температуры  $T_2$  . Возможно, возбуждение  $J^-$  – вбли– эи Sn<sup>2+</sup> вызывает наряду с выпеописанными процессами перескок катионной вакансии в положение, соответствующее конфигурации  $Sn^{2+} V_C [OOI]$  центра. В пользу такого предположения свидетельствует совпадение полосы 270 ны в спектре создания светосумы с положением одной из D -полос  $Sn^{2+}v_c$  [001] центра. Однако при исследовании спектрального состава ФСЛ, запасенной облучением при 270 нм и ТСЛ в термопике 72 не было обнаружено A -полос Sn<sup>2+</sup> v<sub>c</sub> [001] центра (620, 780 нм). Что касается полосы излучения 400 нм в спектре ФСЛ, то она может быть обусловлена C -полосой в издучении  $Sn^{2+}V_{c}[OOI]$  центров. Отсутствие А -полосы, однако, не позволяет уверенно приписать происхождение Т2 термопика и соответствующей ему ФСЛ процесами, происходящими в окрестности центра  $Sh^{2+}v_c^-$  [ООІ]. Вопрос интерпретации процессов, связанных с термопиком 72, остается открытым.

## 7.3. Обсуждение предложенной модели запасания светосумым при *D* поблучении при низких температурах

Предложенный механизм запасания светосуммы при D -обдучении в районе низких температур обладает внутренней непротиворечивостью, он объясняет все экспериментальные данные,
наблюдаемые в эксперименте: число полос в спектре стимуляции,
временные, температурные и поляризационные свойства стимулированной оптической вспышки. Что касается теоретического обоснования, то относительногозможности существования локальных
уровней в запрещенной зоне есть расчет для случая кристаллов  $KCl-Tl^+$  и  $KCl-Eu^{2+}M3,123,124$ , однако, нет теоретического анализа выдвинутой нами идее о расщеплении D -состояния в KJ-Sn и зависимости основного состояния ионов  $J^-$  и  $K^+$ в бликайшем окружении активаторного диполя от их конкретного
положения. Представляется необходимой дальнейшая теоретическая разработка затронутых в работе вопросов.

Чтобы оценить степень правомерности предложенного механизма запасания энергии, полеэно рассмотреть другие возможные механизмы образования деректов при D -возбуждении, которые могли бы обусловить запасание светосуммы.

Наиболее соответствуют современному представлению о дефектообразовании два механизма:

I) распад D -возбуждения на френкелевскую пару дефектов F , H ; /145 / и 2) образование  $V_K$  -центра вблизи активатора при оптическом возбуждении /180,184,1857.

Первый механизм основывается на том, что при D -возбуждении околоактиваторный экситон, так же, как молекулярный автолокализованный экситон в регулярном узле решетки, распадается на F, H дефекты. F -центр метит место распада околоактиваторного возбуждения, а H -центр должен удалиться от
этого места, в противном случае F, H центры взаимно уничтожаются, запасания энергии не может произойти. H -центр при
этом может подойти к другому активаторному центру, например,  $T\ell^+$ , и превратить его в дырочный центр  $T\ell^{++}$ /. В этом
случае запасание светосумым осуществится на пространственно
разделенных F и  $T\ell^{++}$  центрах. Стимуляции вспывки будет соответствовать высвечивание F -центра с последующей рекомбинацией F -электрона на ион  $T\ell^{++}$ . Но в этом случае светосумма не может обладать свойствами, установленными в данной работе: неизбежны зависимость величины и времени затухания светосумым от температуры, а также необъяснимы установленные по-

Близкое расположение компонентов пары  $F - 7\ell^{++}$  можно ожидать все же, если предположить, что френкелевская пара расходится на небольное расстояние: F остается на месте возбужденного иона иода или близко от него, а дырка с H центра переходит на тот же активатор  $7\ell^+$ . В этом случае возникают другие неясности: в результате облучения и высвечивания в кристалле должны накапливаться остаточные дефекты — анионные вакансии около активатора и междоузельный ион иода. Никаких остаточных явлений при D — возбуждении обнаружено не было. Так, после оптического высвечивания величина светосуммы при последующих запасаниях не изменялась. Другим поясным вопросом в этом случае остаются наборы полос стимуляции с определенными поляризационными свойствами.

ляризационные свейства.

Применив второй альтернативный механизм для объяснения запасания светосуммы при D-облучении, получим, что облучение в D-области приводит к образованию пары дефектов  $V_{\kappa}$  и  $\mathcal{T}\zeta^{\,o}$ 

(или  $Sh^{\dagger}$  ), а оптической стимуляции соответствует переход электрона с  $70^\circ$  на  $V_{\kappa}$  . Такой механизм свечения не будет иметь остаточных явлений и в этом смысле больше полходит к истолкованию результатов, чем первый механизм. Но все же есть и тут слабые места. Для такого механизма догично ожидать, что стимулированная ломинесценция будет представлена не активаторным свечением, а свечением автолокализованного экситона, возмущенного активатором. Для того, чтобы указанный механизм имел место, необходимо условие - основной уровень околоактиваторного иона иода должен быть квазилокальным, т.е. расположенным внутри валентной зоны, а для предложенного нами механизма докальным. Не исключено, что второй альтернативный механизм имеет место при возбуждении в более длинноволновых районах, -области поглощения, где наблодается слабое запасание светосумы. Например, в KJ-Sn основные уровни  $D_4-D_\mu$  полос могут лежать в валентной зоне (рис. 7.8 - позиция (б)). Кроме того, можно предположить, что такой механизм может возникнуть при непосредственном переходе электрона между околоактиваторным анионом и натионом, достаточно удаленными от 1/с. (Например, на рис. 7.8 и 7.9 - позиции (  $\kappa$  ) и (  $\lambda$  ). Не искличено, что обнаруженная в работе полоса 420 нм имеет такое происхождение.

Во второй, так же, как и в первой альтернативной модели нет адэкватного объяснения нескольких полос стимуляции, а кроме того, увеличение числа стимуляционных полос при понижении температуры в  $KJ-7\ell$ .

Для окончательного решения вопроса относительно интерпретации низкотемпературного механизма дефектообразования при 

—облучении кристалла представляется необходимым применить метод электронно— парамагнитного резонанса, который даст воз-

можность определить структуру околоактиваторного окружения, возникающую после запасания энергии.

## 7.4. Выводы

- В кристаляах КЈ-ТІ и КЈ-Ји при D -облучении в районе низких температур происходит запасание активаторной светосумы.
- Сивитр стимуляции активаторной вспышки содержит несколько полос: в КЛ-7/ при ТМА 670, 850 дм, при ТМГ 670, 850, IIOO, I4OO нм; в КЛ-5/ при температуре ниже 90 К 620, 820, IO50 нм.
- Спектр стимулированной люминесценции соответствует активаторным полосам излучения.
- 4. Стимулированная всимена, запасенная в D -области, обладает поляризационными свойствами, наблодаемыми в KJ-Tl при ТЖ, в KJ-Sn - при температуре ниже 90 К.
- 5. ТСЛ кристалла KJ-Sh, предварительно облученного в  $D_5$  полосе поглощения, содержит 4 термолика:  $T_1$  = II3,  $T_2$  = I35,  $T_3$  = I75,  $T_4$  = 205. Обнаружено соответствие между термопиками и свойствами ФСЛ: полосе стимуляции 620 нм отвечают термопики  $T_1$  и  $T_3$ , полосе стимуляции 620 нм  $T_4$ , полосе стимуляции I050 нм  $T_2$ .
- 6. В затухании вспышки, запасенный при  $D_S$  -облучении и высвеченной в полосах стимуляции 820, 620 нм выделены три компонента, соответствующие в порядке увеличения длительности  $T_1$ ,  $T_5$  и  $T_4$  термопикам.
- 7. Предложен низкотемпературный механизм запасания при D -облучении и высвечивании активаторной светосуммы в кристаллах KJ-TI и KJ-Sn . Запасание светосуммы связано с возбуж-

дением околоактиваторного иона иода и его последующей релаксация, сопровождаемой переходом электрона на ближайшие катионы калия или активатора, выполняющие роль электронных ловушек. Фото- и термо-стимуляция способствует обратному переходу электронов с ловушек на атом иода, релаксация которого завершается передачей энергии активатору и его свечением.

## 8. SAKUDURHUE

В работе были получены следующие основные результаты и выводы:

- І. Доказано сосуществование минимумов тетрагональной и тригональной симметрии на энергетической поверхности адиабатического потенциала возбужденного состояния двухзарядных ртутеподобных центров в ЩТК.
- 2. Уточнено положение катионной вакансии относительно двухзарядных примесных ионов в закаленных кристаллах KCL, KBr, Kf.  $P6^{2t}$  ионы и большая часть  $Sn^{2t}$  ионов образуют ассоциаты с катионной вакансией в первой катионной срере ( $M^{2t}v_c$ )

  [110]—типа), небольшая часть  $Sn^{2t}$  ионов образуют ассоциаты с катионной вакансией во второй катионной срере ( $M^{2t}v_c$ ) (001)— типа).
- 3. В длинноволновой области экситонного поглощения активированных иодидов обнаружены ранее неизвестные полосы, обусловленные околоактиваторным возбуждением.
- 4. Уточнена структура области поглощения кристалла КЭ-Sn и установлено ее происхождение в результате возбуждения ионов иода из первой анионной сферы, окружающей ион олова. Число и положение — полос поглощения определяется возмущающим влия нием катионной вакансии, а также расщеплением возбужденного состояния ионов иода.
- 5. Предложен низкотемпературный механизм дефектообразования, объясняющий запасание при ⊗ -возбуждении и высвечивании активаторной светосумы в кристаллах КЗ-7ℓ и КЗ-Sn. Запасание светосумы связано с возбуждением околоактиваторного иона иода и его последующей релаксацией, сопровождаемой переходом электрона на ближайшие катионы калия или активатора. Фото- и термостимулящия способствует обратному переходу на атом иода, релаксация которого завершается передачей энергии активатору и его свечением.

Полученные в работе результаты и основанные на них выводы представляют интерес для физики щелочно-галоидных кристаллов и относятся к таким разделам, как эффект Яна-Теллера, теория радиационно-стимулированных процессов, разработка оптических запоминающих устройств.

Часть работы, связанную с исследованием внутрицентровой люминесценции двухзарядных Рід, можно считать в основном завершенной. Для полноты картины в этом направлении исследования будет целесообразно:

I. Расширить диапазон измерения спектров леминесценции и поляризации в более далекой ИК обласви с целью поиска  $A_X$  излучения  $Sn^{2+}v_c [OOI]$  диполей в иодидах калия.

В то же время часть работы, связанная с изучением деректообразования при В -облучении, находятся в начальной стадии развития. Для того, чтобы накопить экспериментальный материал и убедиться в правильности интерпретации, предлагается:

- 2. Продолжить изучение процесса дефектообразования при  $\mathscr{S}$  облучении, используя методы фото— и термостимулированной люминесценции, поляризационные измерения в других активированных ЩТК.
- 3. Провести изучение природы дефектов, запасенных при  $\mathscr{L}$  облучении в кристаллах KF-TC , KF-Sn методом  $\partial \Pi P$ .
- 4. Исследовать природу активаторных центров, возникающих в результате & -облучения и обуславливающих пик  $\mathcal{T}_2$  в ТСЛ.

По теме диссертации опубликовано I4 работ, цитируемых в списке литературы под номерами 208-22I.

Работа выполнена в Институте физики АН Латв.ССР

В заключении приношу глубокую и искранною благодарность за руководство, помощь и внимание на протяжении всего срока работы доктору физ.—мат. наук И.К.Плявинь, а также кандидату физ.—мат. наук М.Ф.Тринклер. Выражаю искренною признательность доктору физ.—мат. наук Л.Е. Нагли за обсуждение интерпретации результатов и помощь в работе.

Пользуясь случаем, кочу выразить благодарность всем своим коллегам — сотрудникам лаборатории спектроскопии ионных кристаллов за активное участие в обсуждении экспериментальных результатов на семинарах лаборатории. Приношу глубокую благодарность
М.Н.Карклине, Т.С.Димпер, Б.Я.Берзинь за помощь в оформлении данной работы.

## JUTEPATYPA

- Лущик Ч.Б., Лущик Н.Е., Лийдья Г.Г., Трейсе Л.А. К вопросу о миграции энергии в щелочно-галоидных кристаллофосфорах // Труды ИРА АН ЭССР. - 1957. - Т. 6. - С. 63-80.
- 2. Лущик Ч.Б., Лущик Н.Е., Мууга Н.А. Электронные переходы в индиевых центрах ионных кристаллов // Труды ИФА АН ЭССР. Т. 2I. С. 20-27.
- 3. Лущик Ч.Б., Лущик Н.Е., Лийдыя Г.Г., Мерилоо И.А. Лонализованные электрониме возбуждения ионных кристаллов, активированных ртутеподобными ионами // Труды ИЙА АН ЭССР. — 1964. — Т. 28. — С. 3—19.
- Зазубович С.Г., Лущик Н.Е., Лущик Ч.Б. Электронно-колебательные процессы и поляризованная ломинесценция ртутеподобных центров в кубических кристаллах // Изв. АН СССР, сер.физ. - 1963. - Т. 23, № 5. - С. 656-660.
- 5. Lushchik H.E., Zezubovich S.G. Electron Excitations of Mercury-Like Centers in Crystals // Physics of Impurity Centers in Crystals / Ed. by Zevt. Tallinn, 1972. P. 483-504.
- 6. Зазубович С.Г., Лийдья Г.Г., Лущик Н.Е., Лущик Ч.Б. Оптическая структура центров ломинесценции в активированных ионных кристаллах // Изв. АН СССР, сер. физ. — 1965, — В 29. — С. 373—379.
- 7. Лущик Н.Е., Лущик Ч.Б. О модели центров люминесценции в щелочно-галоидных кристаллофосфорах // Труды ИФА АН ЭССР. — 1957. — № 6. — С. 5-58.
- 8. Лущик Н.Е. Центры ломинесценции в кристаллах *КВК*, активированных ртутеподобными ионами // Труды ИФА АН ЭССР. 1958. № 7. С. 119—133.

- 9. Зазубович С.Г., Лущик Н.Е., Лущик Ч.Б. Поляризованная люминесценция ртутеподобных центров в кубических кристаллах. П // Труды ИФА АН ЭССР. 1962. № 18. С.3
- 10. Зазубович С.Г., Лущик Н.Е., Лущик Ч.Б. Оптическая структура центров люминесценции в ионных кристаллах, активированных ртутеподобными ионами. // Опт. и спектр. 1963. Т. 15. С. 381-388.
- II. Плявинь И.К. Длительность фотоломинесценции щелочно-галоидных кристаллов, активированных 72<sup>™</sup> или Дл<sup>™</sup> . // Опт. и спектр. - 1958. - № 4. - С. 266-268.
- 12. Плявинь И.К., Тринклер М.Ф. Спектры ломинесценции кристаллов КУ-7С // Изв. АН ЛССР, сер. физ. и техн. наук. 1965. № 3. С. 53-57.
- I3. Plyavin I.K., Trinkler H.F. On the kinetics of the luminescence in KCl-Tl, KBr-Tl and KJ-Tl // Phys. Stat. Sol. 1965. N 11. P. 277-284.
- 14. Плявинь И.К. О кинетике внутрицентровой ломинесценции в области температурного тушения активатора // Опт. и спектр.
   1962. № 12, вып. 5. С. 654-656.
- 15. Плявинь И.К. Быстрые процессы ломинесценции в активированных щелочно-галоидных кристаллах: Автореферат дис. док. физ. мат. наук Рига, 1973, 33 с.
- I6. Fukuda A. Jahn-Teller Effect and T1\*-Type Centers in Alkali Halides // Physics of Impurity Centers in Crystals / Ed. by Zevt. - Tallinn, 1972. - P. 505-527.
- 17. Pukuda A. Structure of the G-Absorption Bend of Tl\*-Type Centers in Alkali Halides Due to the Jahn-Teller Effect // J. Phys. Soc. Japan. 1969. V. 27, N 1. P. 96-109.

- 18. Fulnds A. Jahn-Teller Effect on the Structure of the Baission Produced by Excitation in the A-Band of KJ:Tl-Type Phosphors. Two kinds of Hindma on the / 4 (3 14) Adiabatic Potential Energy Surface // Phys. Rev. - 1970. -V. B1, H 10. - P. 4161-4178.
- 19. Fukuda A., Hakishima S., Habuchi T., et al. Polarization of luminescence in KBr-Tl-Type Crystals Due to the Jahn-Teller Effect // J. Phys. Chem. Solids. - 1967. - V. 28, N 9. - P. 1763-1780.
- 20. Edgerton R. Polarized Emission from KJ:Tl at 12 K // Phys. Rev. 1965. V. 138, N 1A. P. 85-87.
- 21. Le Si Dang, Herle d'Aubigne V., Romestain R., Fukuda A. Hegnetic Resonance in Relexed Excited States  $A_X$  and  $A_7$  of Ga $^{\circ}$  in Alkali Halides // Sol. St. Commun. 1978. V. 26, H 7. P. 413-416.
- Le Si Dang, Simkin D.J., Jacobs P.W.M. Polarized Luminescence from KJ:Sn<sup>2+</sup> 33 J. Lumin. - 1981. - V. 24/25. -P. 205-208.
- 23. Le Si Deng, Herle d'Aubigne Y., Pukuda A. Jahn-Teller Effect in an Orbital Triplet State Coupled to both Eg and T<sub>2g</sub> Modes of Vibration: Experimental Evidence for the Coexistence of Tetragona 1 and Trigonal Hinima // Phys. Rev. Lett. 1977. V. 38, N 26. P. 1539-1543.
- Tsuboi T., Oyama K., Jacobs P.W.M. Fine Structure of the 24-B-Bend in Alkali halide: Sn<sup>2+</sup> Crystals // J. Phys. C: Solid State Phys. 1974. V. 7, N 1. P. 221-229.

- 25. Tsuboi T. Identification of the Absorption Bends in KJ:

  Pb<sup>2+</sup> Crystals // Phys. Stat. Sol. (b). 1979. V. 96. 
  P. 321-328.
- 26. Баранов П.Г. Регистрация ЭПР возбужденных состояний по ломинесценции в ионных кристаллах // Изв. АН СССР. 1981. Т. 45., В 2. С. 253-260.
- 27. Баранов П.Г., Храмцов П.Г. ЭПР центров индия и галлия в щелочно-галоидных иристаллах // ФТТ 1979. Т. 21, № 5. С. 1455-1460.
- 28. Remfegni A., Mugnai D., Bacci M., et al. The Optical Properties of Thallium-Like Impurities in Alkali-Halide Crystals // Advances in Physics. 1983. V. 32, N 6. P. 823-905.
- 29. Engelman R., Rangagni A. Non-Radiative Processes for Complex Potential Surfaces // Application to the Linear Polarization of the A - Emission on KJ-Tl // Physica. -1980. - V. 98, B. - P. 161-175.
- 30. Хижняков В.В. Адиабатическая поверхность и характеристики излучения примесных центров с двумя оптическими электронами. Препринт I 36 АН ЭССР Тарту, 1975. 27 с.
- 31. Hishnyakov V.V., Kristofel H.H. Jahn-Teller Hercury-Like Impurities in Ionic Crystals. In: The Dynamical Jahn-Teller Effect in Localized Systems / Ed. by Perlin J.B. end Wagner H., Elsevier Science Publishers B.V. 1984. P. 383-438.
- 32. Берсукер И.Б., Полингер В.З. Эффект Яна-Теллера для Ттерма // ЖЭТФ - 1974. - Т. 66., № 6. - С. 2076-2091.
- 33. Ельяшевич М.А. Атомная и молекулярная спектроскопия. М : ГИВАЛ. 1962. 892 с.

- 34. Seits F. Interpretation of the Properties of Alkali-Halide Thallium Phosphore // J. Chem. Phys. - 1938. - V. 6, N 2. - P. 150-162.
- 35. Yuster P.H., Delbecq C.J. Some Optical Properties of Potessium-Iodide Thallium Phosphors // J. Chem. Phys. -1953. - V. 21, N 1. - P. 892-899.
- 36. Tsubod T., Hakai Y., Oyana K., et al. Vibration-Induced Absorption (B-Band) of s<sup>2</sup> Configuration Ions in Alkali Halide Crystals //Phys.Rev.B.-1973.-V.S.N 4.-P.1698-1707.
- 37. Williams F.E. An Absolute Theory of Solid-State Luminescence // J. Chem. Phys. - 1951. - V. 19, N 3. - P. 457-466.
- 38. Williams F.E. Theory of the Luminescence of Impurity-Activated Ionic Crystals // J. Phys. Chem. 1953. V. 5, N 8. P. 780-784.
- 39. Klick G.G., Schulman J.H. Luminescence in Solids // Sol. State Phys.: Adv. Res. and Appl. New York, London, 1957. V. 5. P. 97-172.
- 40. Jahn H.A., Teller E. Stability of Polistonic Molecules
  in Degenerate Electronoc States. I. Orbital Degeneracy //
  Proc. Roy. Soc., Ser. A. 1937. V.161, H 905. -P.220-235.
- 41. Toyozawa I., Inoue M. Dynamical Jahn-Teller Effect in Alkali Halide Phosphore Containing Heavy Metal Ions // J. Phys. Soc. Japan. - 1966. - V. 21, N 9. - P. 1663-1679.
- Jacobs P.W.H., Oyama K. Optical Absorption of s<sup>2</sup> Configu-42. ration loss in Alkali Halide Crystals. I. Lineshape of the A-Bend in In\*-Doped Crystals // J. Phys. C: Solid State Phys. - 1975. - V. S. H 6. - P. 851-864. Jacobs P.W.H., Oyama K. Optical Absorption of s<sup>2</sup> Configu-

43.

- ration Ions in Alkali Halide Crystals. II. Lineshape of the C Band in KBr: In // J. Phys. C: Solid State Phys. -1975. - V. S. H 6. - P. 865-871.
- 44. Kemishima Y., Sivasankar V.S., Jacobs P.W.H. Optical Absorption Spectrum of KJ: Sn. I. Experimental results // J. Chem. Phys. 1982. V. 76, N 10. P. 4677-4680.
- 45. Sivasenker V.S., Kamishina Y., Jacobs P.W.H. Optical Absorption Spectrum of KJ:Sn. II. Theoretical Calculation of the Line Shape // J.Chem.Phys.-1982.-V.76, N 10.-P.4681-
- 46. Gammon K.O., Jacobs P.W.H. Optical Absorption of s<sup>2</sup>Configuration Ions in Alkali Halide Crystals. III. The ABand in Sn<sup>2+</sup>-Doped Crystals // J. Phys. Chem. Solids. 1975. V. 36. P. 1375-1382.
- 47. Germon K.O., Jacobs P.W.M. Optical Absorption of s<sup>2</sup>-Configuration Ions in Alkali halide Crystals. IV. Line Shape of the C-Band in Sn<sup>24</sup>-Doped Crystals // J. Phys. Chem. Soll 1975. V. 36. P. 1383-1388.
- 48. Pukuda A. Alkali Halide Phosphore Containing Impurity Ions with (S)<sup>2</sup> Configuration // Science of Light (Japan). 1964. V. 13, N 1. P. 64-114.
- Schmitt K. Absorption and Uniaxial Stress Experiments in the B. C and D' Bands of Pb<sup>2+</sup> Centers in KBr, RbBr, KJ and RbJ // Phys. stat. sol. (b). 1986. V. 135. P. 389-396.
- 50. ing T1 Type Ions // Physica B. 1979. V. 96. P. 341-344.
- 5I. Tsuboi T., Sakoda Sh. Electronic Structure of the Tl<sup>+</sup>
  Conter in KCl. I. Relation to the D Bend // Phys. Rev. B.
   1980. V. 22, N 10. P. 4972-4979.

- 52. Tsubol K. Three Charge Transfer Bands in Pb<sup>2+</sup>-Deped Alkeli Halides // Phys. stat. sol. (b). - 1980. - V. 101. -P. K103-K106.
- Teegarden K. Luminescence of KJ // Phys. Rev. 1957. 105, N 4. P. 1222-1244.
- 54. Know R. Configuration Interaction in Alkali halide Phosphors // Phys. Rev. 1959. V. 115, N 5. P. 1095-1106.
- 55. Donahue J., Teegarden K. Luminescence from Perturbed Exciton States // J. Phys. Chem. Sol. 1968. V. 29, N 12. P. 1241-1251.
- 56. Inchera K. D-Bends in Alkeli Helides Containing Impurity

  Ions with (ns)<sup>2</sup> Configuration // Science of Light (Jepen).

   1965. V. 14, H 2. P. 92-141.
- 57. Alderson J.E. Electron Transfer Transitions in ECL:T1 // Phys. stat. sol. 1964. V. 7, N 1. P. 21-28.
- 58. Лийдья Г.Г., Яэк И.В. Создание -центров в щелочно-галондных фосфорах ультрафиолетовой радиацией // Труды ИФА АН ЭССР. - 1961. - В 14. - С. 212-236.
- 59. Лийдья Г.Г. Возбуждение ломинесценции КУ-7м в длинноволновой части фундаментального поглощения // Труды ИФА АН ЭССР. - 1961. - № 17. - С. 93-104.
- 60. Вале Г.К. Образование электронных центров окраски в активированных ЩГК экситонами // Изв. АН ЛССР, сер. физ. и тех. н. 1981. № 5 С. 123-125.
- ated with Impurities and Energy Transfer by Polariton in

  11 11 B KH. The such ulucy paper hour kompepeli
  yell, Despekmin by guardent purecular kapeli
  Tamax'-Suna, 1981. C. 406.

- 62. Плявинь И.К., Тринклер М.Ф. Роль околоактиваторных экситонов в формировании спектров возбуждения активаторной люминесценции и спектров создания активаторной светосуммы в кристалле КУ-72 при низких температурах // Опт. и спектр. 1985. Т. 59, № 5 С. 1070-1074.
- 63. Зазубович С.Г. Поляризованная люминесценция щелочно-галоидных кристаллов, активированных ртутеподобными ионами // Труды ИФА АН ЭССР. - 1969. - Т.36. - С. 109-153.
- 64. Trinkler M.F., Plyevin I.K. On the Kinetics of the lardnescence in KCl:Tl, KBr:Tl and KJ:Tl // Phys. Stat. Sol. - 1965. - V. 11, Y.S. - P. 277-284.
- 65. Тринклер М.Ф. О сложной структуре нижнего возбужденного состояния ЩК, активированных таллием // Радиационная физика УІ: Радиационные дефекты и люминесценция ионных кристаллов. Рига: Зинатне, 1970. С. 5-47.
- 66. Тале А.К. О внутрицентровой люминесценции щелочно-галоидных кристаллов, активированных индием. // Радиационная физика УІ: Радиационные дефекты и люминесценция ионных кристаллов. - Рига: Зинатне, 1970. - С. 49-92.
- 67. Кристофель Н.Н. Теория примесных центров малых радиусов в ионных кристаллах. М : Наука, 1974. 336 с.
- 68. Тринклер М.Ф. Статический эффект Яна-Теллера для ртутеподобных центров люминесценции в ЩТК // Изв. АН СССР, сер.физ. - 1981. - Т. 45, № 2. - С. 332-336.
- 69. Лущик Н.Е., Соовик Х.А. Возбуждение ломинесценции примесных центров в КВТ при оптическом создании экситонов // Труды ИФА АН ЭССР. — 1974. — Т. 42. — С. 61—80.
- 70. Лембра Л.А. О природе длинноволновых полос излучения центров типа  $7\ell^+$  в целочно-галоидных кристаллах // Труди ийа АН ЭССР 1975. Т. 44. С. 154—163.

- 71. Тринклер М.Ф., Золовкина И.С. К вопросу о природе длинноволновой А -полосы ломинесценции в кристалле КУ-72 // Изв. АН ЛССР, сер.физ. и техн. н. - 1975. - № 4. - С. 117-119.
- 72. Trinkler M.F., Solovkine I.S. A-Jaminescence of Alkeli Halides Activated by Monovalent Mercury-Like Ions // Phys. Stat. Sol. (b). - 1977. - V. 79. - P. 49-59.
- 73. Зазубович С.Г., Хижняков В.В. Поляризованная люминесценция и новая модель ртутеподобных центров в ионных кристаллах // Изв. АН СССР, сер. физ. - 1985. - Т. 49, № 10. -С. 1874-1879.
- 74. Тринклер М.Ф., Золовкина И.С. — люминесценция щелочногалоидных кристаллов, активированных одновалентными ртутеподобными ионами // Изв. АН СССР, сер. физ. — 1976. — Т. 40, № 9. — С. 1939—1943.
- 75. Тринклер М.Ф., Золовкина И.С. Исследование А люминесценции кристалла КВк-ТС по спектру возбуждения // Изв. АН ЛССР, сер. физ. и техн. н. - 1974. - № 2 - С. 30-32.
- 76. Тринклер М.Ф., Нагли Л.Е. Люминесценция с метастабильного уровня 72<sup>+</sup>-центра в кристалле КСС-7С // Опт. и спектр. 1986. Т. 60, вып. І. С. 97—102.
- 77. Illingworth R. Luminescence Decay of KJ:Tl, KER:Tl and KCl:Tl // Phys. Rev. A. 1964. V. 136, N 2A. P. A508-A517.
- 78. Соовик Т.А., Реало Э.Х. Фотосцинтилляции в активированных ртутеподобными ионами кристаллах // Труды ИФА АН ЭССР. 1963. Т. 23. С. 97-108. Gezhardt V., Gebhardt W. The Jahn-Teller Effect in the 79.

  3000 % Emission of KCl:Tl<sup>+</sup>. An investigation by Time-Re-

- solved Emission Spectroscopy // Phys. Stat. Sol. (b). -
- 80. Tomara M., Mansoka T., Nishimura H. Decay Times of Luminescence of KJ:Tl Single Crystals // J. Phys. Soc. Japan. - 1964. - V. 19. N 10. - P. 1982-1984.
- 8I. Феофилов П.П. Поляризованная ломинесценция атомов, молекул и кристаллов. - М. ГИФМЛ, 1959. - 288 с.
- 82. Тарасова Л.И., Феофилов П.П. Поляризация леминесценции и природа леминесцирующих центров в кристаллах № СС-Ну и КСС-ТС // Опт. и спектр. 1958. Т.4, № 5. С. 696-703.
- 83. Klick C., Compton W. Polarized Luminescence from KCl-Fl a t Low Temperatures // Phys. Chem. Sol. - 1958. - V. 7, H 2-3. - P. 170-174.
- 84. Зазубович С.Г. Эффект Яна-Теллера и поляризованная ломинесценция в щелочно-галоидных кристаллах, активированных индием // Труды ИФА АН ЭССР. - 1970. - Т. 38. - С. 144--162.
- 85. Зазубович С.Г. О причинах низкой сивметрии центров люминесценции в щелочно-галоидных кристаллах, активированных индием // Опт. и спектр. - 1969. - Т. 26, № 2. - С. 235--243.
- 86. Золовкина И.С. Структура и природа полос ломинесценции кристаллофосфоров КУ-ТС типа. Автореферат диссертации канд. физ. — мат. наук — Рига, 1977. — 16 с.
- 87. Nagirnyi V., Soovik T., Zazubovich S. Decay Kinetics and Polarization of the A. Emission of KJ:In Crystal // Phys. Stat. Sol. (b). 1984. V. 126. P. 653-658.

- 88. Зазубович С.Г., Нагирный В.П., Соовик Т.А. Поляризованное  $A_X$  -излучение  $Ga^+$  -центров в кристаллах KCl-Ga и KBn-Ga // ФТТ - 1985. - Т. 27, № 3. - С. 700-704.
- 89. Романов Н.Г., Вешинов В.П., Ветеров В.А., Баранов П.Г. Оптическое детектирование ЭГР в триплетных возбужденных состояниях ионов Ga в щелочно-галоидных кристаллах // ФТТ 1980. Т. 23, вып. 10. С. 2900—2908.
- 90. Берсукер И.Б. Электронное строение и свойства координационных состояний. - Л. "Химия", 1976. - 315 с.
- 91. Opic U., Price M. Studies of the Jahn-Teller Effect. I.

  A survey of the Static Problem // Proc. Roy. Soc. 1957.

   V. 238A. P. 425-450.
- 92. Baccu H., Renfagni A., Fontana M.P. et al. Coexistence of Tetragonal with Orthorhombic or Trigonal Jahn-Teller Distortions in an Oh Complex. A Plausible Interpretation of Alkali Halide Phosphors Laminescence // Phys. Rev. 1975. V. B11, N S. P. 3052-3059.
- 93. Hishmyakov V., Liidja C., Nagirnyi V. et al. Effect of Magnetic Field on the Decay Kinetics and Polarization of the Am Emission of KCl-Ga at 0.38 K // Phys. Stat. Sol. (b). 1983. V. 120, N 1. P. 105-115.
- 94. Тринклер М.Ф. Кинетика внутрицентровой ломинесценции в кристаллофосфоре КСС-РБ // Опт. и спектр. 1964. Т. 16., вып. 5. С. 854-861.
- 95. Нагли Л.Е., Пидзырайло Н.С., Станько Н.Г. Люминесценция кристаллов Nall-Te в широком интервале интенсивностей // Укр. физ. журн. 1987. Т. 32, № 4. С. 528—532.
- 96. Нагли Л.Е. Релаксированные возбужденные состояния ионов Те в Nacl-Tc // Опт. и спектр. - 1988. - Т. 64, вып. 2. - С. 453-455.

- 97. Нагли Л.Е. Локальные и кристаллические электронные возбуждения в щелочно-галоидных кристаллах, активированных  $S^2$ -ионами. Автореферат дис. док. физ. - мат. наук. -Рига. 1988 - 32 с.
- 98. Fukuda A. Six-Dimensional Configuration Coordinate Scheme and KJ-Tl-Type Phosphors // J. Luminescence. 1970. -- V. 1/2. P. 376-384.
- 99. Kemishima H., Sugamo S. Laminescence Processes in the KCl:Tl Phosphor in a Multidimensional Configuration Space // J. Phys. Soc. Japan. 1959. V. 14, N 11. P.1612-
- IOO. Delbecq G.J., Hartford R., Shoemaker D., Yuster P.H. Sn<sup>2+</sup> Centers in KCl:SnCl<sub>2</sub> // Phys. stat. sol. (b). 1975. V. 71. P. K81-K85.
- IO2. Kemishina Y., Jacobs P.H.W., Simkin D.J. et al. Emission Spectroscopy of Alkali Halide Phosphors Doped with s<sup>2</sup>Ions KJ:Sn<sup>2+</sup> // Phys. Rev. (b). - 1980. - V. 22, N 6. -P. 3010-3020.
- 103. Egemberdijev Zh., Seeman V., Zazubovich S., Jaanson H. Polarized Luminescence and EFR Study of Sn<sup>2+</sup> Centers in KCl:SnCl<sub>2</sub> Crystals // Phys. Stat. Sol. (b). 1979. V. 92, N 1. P. 335-345.
- IO4. Dreyfus R.W. Dielectric Relaxation Due to Impurity-Vacancy Complexes in NaCl Crystals // Phys. Rev. - 1961. -V. 121, N 6. - P. 1675-1687.
- 105. Realo R., Zazubovich S. Polarized Luminescence and the Hössbauer Effect of Tin Impurity Centers in NaCl Crystals // Phys. stat. sol. (b). 1973. V. 57. P. 69-73.
- 106. Catlow C.R.A. Impurity-Vacancy Interactions in the Alkali Halides // Chem.Phys.Lett. 1976.-V.39, N 3. -P.497-500.

- 107. Зазубович С.Г. Поляризованная люминесценция центров кубической симметрии в щелочно-галоидных кристаллах // Опт и спектр. - 1974. - Т. 37. № 4. - С. 711-716.
- 108. Нагирный В.П. Поляризованная люминесценция Р6<sup>2+</sup> центров разной структуры в КО -Р6О2 // Труды ИФА АН ЭССР 1984.
   Т. 55. С. 198-216.
- 109. Кац М.Л., Голубенцева Л.Н., Гинсбург К.Е. Активаторные центры захвата в щелочно-галоидных кристаллах со свинцом // Изв. АН СССР, сер.физ. - 1966. - Т. 30, № 4. - С. 698--703.
- IIO. Keifu Y. Some Optical Properties of Lead Activated Potassium Halide Phosphors // J. Phys. Soc. Japan. - 1961. -V. 16. N S. - P. 1605-1616.
- III. Зазубович С.Г., Кужтаев Т.А. Поляризованная люминесценция ртутеподобных центров в кубических кристаллах // Труды ИФА АН ЭССР. - 1966. - № 31. - С. 190-209.
- II2. Keeze P.. Volger J. The Tetragonal Symmetry of the Pb2+ Centre in KCl // Physica. - 1967. - V.37. - P. 467-475.
- II3. Тринклер М.Ф. О длинноволновой полосе внутрицентровой ломинесценции кристалла КСС -Рб. // В кн.: Радиационная физика. – 1965. – Т. 3. – С. 133–143.
- in NaCl:Pb<sup>2+</sup> and KCl:Pb<sup>2+</sup> // Phys. Rev. (b). 1972. V. 5, N 2. P. 633-641.
- II5. Harculescu L., Chita C. On the Luminescence of KCl:Pb and KBr:Pb Crystals // Phys. Stat. Sol. (b). 1976. V. 75, H 1. P. 375-379.
- II6. Mugenski R., Demm J.Z. On the 420 nm Emission Band in Pb<sup>2+</sup> Doped KCl Crystals // Phys. Stat. Sol. (b). 1977. V. 80, H 1. P. K59-K62.

- 117. Herculescu L., Vlenovici H., Velula T. On the Decay of the Luminescence Emission of Pb<sup>2+</sup> centers in Alkali Halide Crystals // Phys. stat. sol. (b). -1976.-V.85, N1.-
- 118. Тринклер М.Ф. Внутрицентровая ломинесценция щелочно-галоидных кристаллов, активированных таллием и свинцом. Автореферат дис. канд. физ. - мат. наук. - Рига, 1967, -15 с.
- 119. Зазубович С.Г., Соовик Т.А., Хикняков В.В. Поляризованное А -излучение центров олова в щелочно-галоидных кристаллах и модель их возбужденных состояний. // Изв. АН СССР, сер. физ. - 1976. - Т. 40, № 9. - С. 1944-1948.
- 120. Kemishima V., Jacobs P.W.M., Simkin D.I. Emission Spectroscopy of Alkali Helide Phosphore Doped with s<sup>2</sup>Ions:

  KJ:Sn<sup>24</sup>// Phys. Rev. B. 1980. V. 22, H 6.-P.3010-3020.
- IZI. Jacobs P.H.W., Kamishina Y., Coatsworth L.L. Luminescence of KJ:Sn<sup>2+</sup> // International Conference of Luminescence. Abstracts. 1978. P. 279-280.
- 122. Simkin D.I., Germon K.O., Kemishina Y. et al. Anomalous Hagnetic Field Effect on the Radiative Decay Time of a New Red Emission in KJ:Sn // International Conference of Luminescence. Abstracts. - 1978. - P. 281-282.
- 123. Лущик Ч.Б., Лийдья Г.Г., Эланго М.Л., Яэк И.В. Исследование процессов генерации радиационных деректов в ионных кристаллах. // Радиационная физика Рига, Зинатне, 19.64. С. 15-25.
- 124. Лущик Ч.Б., Лийдья Г.Г., Эланго М.А. Электронно-дырочный механизм создания центров окраски в ионных кристаллах // ФТТ 1964. Т. 6, вып. 8. С. 2256-2262.

- 125. Лущик Ч.Б., Вале Г.К., Ильмас Э.Р. и др. 0 роли различных электронных возбуждений в радиационном окращивании сложных кристаллов. // Опт. и спектр. 1966. Т. 21., вып. 6. С. 686-692.
- 126. Парфианович И.А., Пензина Э.Э. Электронные центры окраски в ионных кристаллах // Иркутск, Восточно-Сиб. книжн. из-во. 1977. 208 с.
- Defects in Solids / Ed. by Crawford J.H., Slifkin L.H.
  New York: Plenum Press. 1972. V. 1. P. 327-300.
- 128. Стоунхэм А.М. Теория дефектов в твердых телах. т. 1-2.-— М: Мир. 1978.
- 129. Itoh N. Interstitiel and Trapped Hole Centers in Alkali Halides // Cryst. Lett. Def. - 1972.-V.3. - P.115-143.
- 130. Rurs G., Gebhardt W. Optical Absorption of Interstitial Ions in KBr Crystals at Helium Temperatures // Phys. stat. sol. (b). - 1964. - V. 7. - P. 351-362.
- I31. Takahashi H., Saideh H., Iteh H. Optical Absorption and Luminescence of I Centers // Phys. Stat. Sol. (b). --1973. - V. 57. - P. 749-756.
- 132. Guilieni G., Perinati A., Regusseni R. et al. Production of & -Centers in KCl at Liq uid Helium Temperature // Solid State Commun. 1965. V. 3. P. 161-164.
- 133. Акилбеков А.Г., Даулетбекова А.К., Эланго А.А. Создание и отжиг дефектов в кристаллах КУ и КУ-Nос, облученных рентгеновскими лучами. // Труды ИФА АН ЭССР. 1985. Т. 57. С. 87—100.
- 134. Лущик Ч.Б., Гиндина Г.И., Иыги Х.Ч. и др. Распад электронных возбуждений на катионные френкелевские деректы в щелочно-галоидных кристаллах // Труды ИФ АН ЭССР — 1975.—

- № 43. C. 7-62.
- I35. Castner T.G., Kornzig W. The Electronic Structure of V<sub>k</sub>-Centers//J.Phys.Chem.Sol. 1957.- V.3.N3-4.-P.178-179.
- I36. Daly D.F., Micher R.L. Electron-Nuclear Double Resonance Spectrum of the V<sub>k</sub> Center in Sodium Fluoride // Phys. Rev. - 1968. - V. 175, N 2. - P. 412-437.
- I37. Gazzine R., Micher R.L. Electron-Nuclear Double Resonance of the Self-Trapped Hole in Lif // Phys. Rev. -1968. - V. 175. N 2. - P. 395-411.
- 138. Витол И.К. Современные представления о механизме рекомбинационной люминесценции щелочно-галоидных кристаллофосфоров // Изв. АН СССР, сер. физ. - 1966. - Т. 30. -С. 564-569.
- 139. Hersh H.N. Formation of Color Centers in Alkali halides Using Nomionizing Radiation // Bull. Am. Phys. Soc. -1965. - Ser. 2, N 10. - P. 582-600.
- 140. Hersh H.N. Proposed Electronic Mechanism of Color-Center Formation in Alkali Halides // Phys. Rev. - 1966. - V. 148. - P. 928-932.
- I4I. Pooley D. F-Center Production in Alkali Halides by Radiationless Electron-Hole Recombination // Solid State Commum. - 1965. - V. 3. - P. 241-243.
- 142. Лущик Ч.В., Витол И.К., Эланго М.А. Экситонный механизм создания /— центров в бездеректных участках ионных кристаллов // ФТТ − 1968, № 10. - С. 2753-2759.
- Itoh N. Primary Processes of Defect Pornation in Alkali Halides // In: Defects in Insulating Crystals / Ed. by Fuchkevich V.M., Shverts K.K. - Riga: Zinatne, 1981. -P. 343-362.
- Lashchik Ch., Lashchik A., Vesil'chenko B. Excitons and

- Point Defect Greation in Albeli Helides // In:Defects in Insulating Crystals / Ed. by Tuchkevich V.M., Shverts E.K. - Riga: Zinatne, 1981. - P. 323-342.
- 145. Лущик Ч.Б., Васильченко Е.А., Лущик А.Ч. и др. Экситонные и примесно-экситонные механизмы создания F, # пар в щелочно-галоидных кристаллах // Труды № АН ЭССР. - 1983. - Т.54. - С. 5-38.
- 146. Лущик Ч.Б., Весильченко Е.А., Колк Ю.В., Лущик Н.Е. Создание и преобразование дефектов в КСС-7С при аннигиля ции электронных возбуждений // Труды ИФ АН ЭССР — 1983. — Т.54. — С. 38—72.
- 147. Тайиров М.М. Экситонный и электроннодырочный механизмы создания F, H и d, I пар в кристаллах КВг и КВг-СС // Труды ИФ АН ЭССР. 1983. T. 54. C. 73--101.
- 148. Лущик Ч.Б. Свободные и автолокализованные экситоны в щелочно-галоидных кристаллах. Спектры и динамика. // Экситоны – М. Наука, 1985. – С. 362-384.
- 149. Алукер Э.Д., Гаврилов В.В., Дейч Р.Г., Чернов С.А. Быстропротекающие радиационно стимулированные процессы в щелочно-галоидных кристаллах. - Рига, Зинатне, 1987. -183 с.
- Iso. Yoshingti T., Iwano H., Hirai M. P-H Center Formation by Optical Conversion in Self-Trapped Excitons in KCl Crystals // J. Phys. Soc. Japan. 1978. V. 45, N 5. P. 936-943.
- 151. Лущик Ч.Б., Витол И.К., Эланго М.А. Распад электронных возбуждений на радиационные дефекты в ионных кристаллах // УФН 1977. Т. 122, № 2. С. 222—251.

- 152. Алукер Э.Д., Лусис Д.В., Чернов С.А. Электрониме возбуждения и радиоломинесценция щелочно-галоидных кристаллов.
  Рига: Зинатне, 1979. 251 с.
- I53. Itoh H. Creation of Lattice Defects of Electron Excitation in Alkali Halides // Adv. Phys. 1983. V. 31. P. 491-551.
- 154. Васильченко Е., Осмоналиев К., Яансон Н. Излучательный и безызлучательный распад локализованных экситонов в КУ, КУ-No, КУ-Вг // Труды ИФ АН ЭССР 1985. Т. 57. С. 57—86.
- 155. Чернов С.А., Гаврилов В.В., Эцин С.С. Эффективность накопления и кинетика аннигиляции F-H пар в чистых и активированных иодом кристаллах КСС в интервале температур 15-80 К // ФТТ - 1983. - Т. 25. - С. 1712-1716.
- 156. Мальшев А.А., Яковлев В.В. Релаксированные гетероядерные экситоны в кристалле КСС ₹ // ФТТ 1982. Т. 24. С. 2296-2299.
- 157. Tenimura K., Okada T. Effect of the Hat Impurity on the Relaxation of an Exciton in KBr at Low Temperatures // Phys. Rev. B. V. 13. P. 1811-1816.
- 158. Даунетбекова А.К., Акилбеков А.Г., Эланго Г.Г. Влияние примесей лития и натрия на радиационное дефектообразова ние в области температур 4.2 – 300 К в кристалле КВг // ФТТ – 1982. – Т. 24. – С. 2920–2924.
- 159. Breybrodt W., Silber D. Electron Spin Resonance of Tl++
  Centers in KCl Crystals // Phys. Stat. Sol. 1967. V. 20. P. 337-346.
- 160. Кинк Р.А., Лийдья Г.Г. Захват дырок ТС<sup>+</sup> центрами в КУ-ТС // ФТТ 1967. № 9. С. 1974-1678.

- 161. Эгембердиев Ж. Анизотропные центры окраски и рекомбинационная ломинесценция кристаллов КСС-Su и КСС-Рб . Автореферат канд. физ. - мат. наук, Тарту, 1980. - 16 с.
- I62. Aguillo-Lopez F., Lopez F.J., Jaque F. Role of Cation Impurities on Rediction-Induced Processes in Alkali Halides // Cryst. Lett. Def. - 1982. - V. 9. - P. 227-252.
- 163. Kondo V., Hirai H. Color Center Formation in KCl-Ag Crystals under X-Reying near Mef // J. Phys. Soc. Japan. 1971. V. 30. P. 1765-1772.
- 164. Калниныш Р.А., Плявинь И.К., Тале А.К. Спектры создания центров окраски низкоэнергетическими экситонами в активированных щелочно-галоидных кристаллах // Изв. АН ЛССР, сер. физ. и техн. наук. - 1984. - № 4. - С. 59-63.
- 165. Брацлавец П.Ф., Калнинь А.Э., Плявинь И.К. Физические основы опто-электронного преобразователя с памятью на основе активированных щелочно-галоидных кристаллов // Изв. АН ЛССР, сер. физ. и техн. н. − 1987. № 2. С. 17-19.
- 166. Калнинь А.Э., Плявинь И.К., Тале А.К. Высвечивание немонохроматическим светом из спектральной области / −по-лосы поглощения светосумы в КВг-Іл , созданных экситонами. // Изв. АН ЛССР, сер. физ. и техн. наук. 1988. № 2. С. 22–26.
- 167. Плявинь И.К. закономерности экситонного дефектообразования в кристалле КВ1 -П, Пи при комнатной температуре.
  // Изв. АН ЛССР, сер. физ. и техн. наук. 1986. № 4.
   С. 25-29.
- 168. Калнинь А.Э., Плявинь А.К., Тале А.К. Увеличение эффективности низкоэнергетического экситонного создания  $\digamma$ ,  $Ih^{T}$  центров в KBn-Ih при облучении в  $\mathfrak C$  –полосе по-

- глощения // Изв. АН ЛССР, сер. физ. и техн. наук. 1987. № I. C. 47-55.
- 169. Вале Г.К. Механизм ионизации активаторных центров в ЩГК экситонами // Изв. АН ЛССР 1981. № 1. С. 123-125.
- 170. Вале Г.К. Особенности образования центров окраски в активированных щелочно-галоидных кристаллах // Изв. АН ЛССР, сер. физ. и техн. наук. 1983.-№ 2. С. 20-22.
- 171. Вале Г.К. Фотостимулированная рекомбинационная люминесценция в активированных щелочно-галоидных кристаллах // Изв. АН ЛССР, сер. физ. и техн. наук. - 1987. - № 1. -С. 91-94.
- 172. Вале Г.К. Фото- и термостимулированная рекомбинационная люминесценция в КВn-Те и КВn- In // Изв. АН ЛССР, сер. физ. и техн. наук. - 1988. - № 2. - С. 15-20.
- 173. Гаврилов В.В., Дейч Р.Г., Дяченко С.В. и др. 0 механизмах дефектообразования в активированных ЩТК // ФТТ - 1987.
  - Т. 29. вып. 6. - С. 1908-1917.
- 174. Dyachemko S.V., Nagli L.E., Pirogov F.V. Radiation Defect Production Processes in Activated ECL Crystals // Phys. Stat. Sol. (a). 1987. V. 104, N 2. P. 943-951.
- 175. Nagli L.E. F-Centers in KCl-Tl Crystals // Phys. Stat. Sol. (b). 1985. V. 127. H 1. P. 319-326.
- 176. Нагли Л.Е. Влияние ртутеподобных ионов на дефектообразование в щелочно-галоидных кристаллах // ДТТ 1985. Т. 27. вып. 9. С. 2829-2831.
- 177. Нагли Л.Е., Дяченко С.В. Ломинесценция  $Pb^+$ и  $Pb^+$ V<sub>0</sub> центров в кристаллах KCl , KRL , KY . // Опт. и спектр. 1986. Т. 66, вып. 6. С. 1266—1276.

- 178. Кристофель Н.Н. Об индущированных на соседях примеси локальных уровнях в щелочно-галоидных кристаллах // Труды ИФА АН ЭССР. 1969. Т. 32. С. 54-68.
- 179. Соломатов В.Н., Кристофель Н.Н. Система локальных уровней в кристалле КСС с двухвалентным активатором // Изв. АН СССР, сер. физ. и техн. наук, 1974. Т. 38, № 6. С. 1238-1240.
- 180. Мысовский С.Н., Непомнящих А.И., Шлюгер А.Л. Электронная структура и оптические переходы кислородных центров в кристаллах ∠//- и ≮€ // Опт. и спектр. 1987. Т. 63. вып. 1. С. 129-134.
- 181. Shluger A., Hysovsky S., Hepomysschikh . Formation of Self-Trapped Holes under Optical Excitation of Impurity Centers in Lif Crystals // J. Phys. Chem. Solids. 1988. V. 49, N 9. P. 1043-1045.
- 182. Delbecq C.J., Ghosh A.K., Yuster P.H. Trapping and Annibilation of Electrons and Positive Holes in ECL-FICL // Phys. Rev. 1966. N 151. P. 599-615.
- 183. Кинк К.А., Лийдья Г.Г. Захват дырок 76 центрами в КУ-76 // ФТТ - 1967. - № 9. - С. 1674-1679.
- 184. Осминин В.С., Завт Г.С., Зазубович С.Г., Нийлиск А.Н. Переходы с переносом заряда в Te<sup>2+</sup>, In<sup>2+</sup> и Ga<sup>2+</sup> центрах в KCl // Изв. АН СССР, сер. физ.н. 1974. Т. 38, № 6. С. 1235—1237.
- 185. Бадалян А.Г., Баранов П.Г., Житников Р.А. Образование электронных центров и автолокализованных дырок при световом облучении щелочно-галоидных кристаллов с примесями // ФТТ 1977. Т. 19, вып. 12. С. 3575-3579.

- 186. Бадалян А.Г., Баранов П.Г., Житников Р.А. Получение атомов серебра и автолокализованных дырок в щелочно-галоидных кристаллах световым облучением // ФТТ - 1977. -Т. 19, вып. 6. - С. 1847-1849.
- 187. Парфианович И.А., Мещик В.М., Соломатов В.Н., Шуралева Е.И. Теоретическое и экспериментальное изучение локальных уровней в КСС-Ей // Опт. и спектр. – 1973. – Т. 35, вып. 5. – С. 876-879.
- ISS. Murray R.B., Keller E.J. Recombination Luminescence from V<sub>E</sub> Centers in Potassium Iodide // Phys. Rev. - 1965. -V. 137. - P. A942-A948.
- 189. Kabler M.N. Low Temperature Recombination Luminescence in Alkali Halide Crystals // Phys. Rev. 1964. V. 1364. P. 1296-1302.
- I90. Ikeya M. Recombination Luminescence in Alkali Halides
  Doped with Divalent Cations (Vke)2-Type Baission //
  Phys. Stat. Sol. (b). 1975. V. 69. P. 275-284.
- 191. Берзиня Б.Я., Интенберт Л.Э. Рекомбинационная ломинесценция # -центров и электронов в кристаллах КУ и Rb7 // Тез. 27. Совещания по лом. - Эзерниеки, 1980, - С. 89.
- 192. Timusk T., Hertienson W. Recombination Luminescence in Alkali Halides // Phys. Rev. 1962. V. 128. P. 1656-1663.
- 193. Fujita I., Yano S., Onaka R. Deday Time and Quantum Yield of Luminoscence from Lacenters // Schence of Light. 1968. V. 17. P. 89-95.

- 194. Purdy A.B., Hurray R.B. Studies of Intrinsic Laminoscence in KCl // Solid St. Commun. - 1975. - V. 16. -P. 1293-1296.
- 195. Grabovsis V.J., Vitols I.K. Turmeling Recombination Laminescence in KBr and KCl // J. Luminescence. 1979. V. 20. P. 337-342.
- I96. Allen A.H.T., Commins J.D., Ford F.J. Study of Defect Annealing in / -Invadiated HJ by Remon Scattering and Optical Absorption // J. Phys. C: Solid State Phys. 1985. V. 18. P. 5783-5792.
- Respite E., Donalen J.L., Teurel E. Thermoluminescence of E- or / -Irradiated KJ and KJ (Ga<sup>2+</sup>) arystals // J. Phys. C: Solid State Phys. 1983. V. 16. P. 4769-4777.
- 198. Кинк М.Ф. Электронная и дырочная рекомбинационная люминесценция ЩТК при термо- и фотостимуляции. Автореферат дис. канд. физ. -мат. н. - Тарту, 1971. - 15 с. Delbecq C.J., Dexter D., Yuster P.H. Turneling Recombi-
- 199.

  nation Luminescence between Ag<sup>0</sup> and Ag<sup>++</sup> in KGl: AgCl

  // Phys. Rev. B. 1978. V. 17. P. 4765-4774.
- 200. Эгембердиев Ж.Э. Фото- и термостимулированная рекомбинационная ломинесценция кристалла КСС-8nCl2 // ЖС -- 1979. - Т. 31. - С. 265-269.
- 201. Зазубович С.Г., Эгембердиев Ж.Э. Фотостимулированная дырочная люминесценция кристалла Кес-Sucla // Труды ИВ АН ЭССР - 1979. - № 50. - С. 119-132.

- 202. Plyavin I.K., Vale G.K., Negli L.B. Quick Response Luminescence of KCl-Fl, KBr-Fl Stimulated in Electron Color Centers // In: Color Centers in Ionic Crystals. International Conference. - 1971. - P. 71.
- 203. Нагли Л.Е., Рот М.Л. Малоинерционная передача энергии в кристалле КВ?-72. П. Фотосцинтилляция. // Изв. АН ЛССР, сер. физ. и техн. н. - 1970. - № 3. - С. 60-63.
- 204. Нагли Л.Е., Плявинь И.К. Вынужденное рекомбинационное излучение ртутеподобных активаторов в щелочно-галоидных кристаллах // Опт и спектр. 1977. Т. 44, вып. 1. С. 138-142.
- 205. Смольская Л.П., Парфианович И.А., Пуралева Е.И. Термостимулированная ломинесценция фосфоров на основе КУ // Опт.и спектр. — 1973. — т. 35, вып. 4. — С. 661—666.
- 206. Яэк И.В. О возбуждении примесных центров в ЩТК при рекомбинации электронов и дырок // Труды ИФА АН СССР -- 1963. - Т. 23. - С. 170-174.
- 207. Murti Y.V., Semmel G., Siveremen S. Thermoluminescence of Tin Activated KCl Crystals // J. Luminescence. 1975/76. V. 11. P. 255-263.
- 208. Тринклер М.Ф., Тринклер Л.Э., Калнынь А.Э. Внутрицентровая люминесценция КСС-РС в температурном районе 8 -- 80 К // Изв. АН ЛССР, сер. физ. и техн. н. - 1978. -№ 3. - С. 12-17.
- 209. Тринклер М.Ф., Тринклер Л.Э. Кинетические исследования А -полосы излучения 420 нм кристалла КСС-РВ // Изв. АН ЛССР, сер. физ. и техн. н. - 1978. - № 6. - С. 18-20.
- 210. Тринклер М.Ф., Тринклер Л.Э. А люминесценция КВ2-Р6 в области температур 8 - 80 К // Опт. и спектр. - 1979. -

- Т. 46, вып. І. С. 91-96.
- 211. Тринклер М.Ф., Тринклер Л.Э., Калнинь А.Э. А -люминесценция ЩК, активированных ионами свинца // Тезисы докладов. 25. Совещания по люм. - Львов, 1978. - С. 90.
- 212. Тринклер Л.Э., Тринклер М.Ф. Статический эффект Яна-Теллера у активаторных центров кристалла КСС-SN // Изв. АН ЛССР, сер. физ. и техн. н. — 1980. — № 3. — С. 33-39.
- 213. Плявинь И.К., Тринклер Л.Э., Тринклер М.Ф. Инфракрасные полосы в излучении кристаллов КСС и КВх, активированных оловом. // Известия АН ЛССР, сер. физ. и техн. н. 1969. Т. 3. С. 21-27.
- 214. Тринклер Л.Э., Тринклер М.Ф. Излучение диполей  $Sn^2t_e^{-}$  в KU-Sn. // Опт. и спектр. 1989. Т. 66, вып. 1 С. 99—106.
- 215. Тринклер Л.Э., Тринклер М.Ф. Спектры поглощения и издучения кристалла КУ-Ум, обусловленные диполями Sm<sup>2+</sup> катионная вакансия // Тезисы докладов Всесовзного совещания по ломянесценции молекул и кристаллов - Таллин, 1987. - С. 85.
- 216. Тринклер Л.Э., Тринклер М.Ф. Оптические спектры Su<sup>2t</sup> в KY-Sn // Изв. АН ЛССР, сер. физ. и техн. н. 1986. № 1. С. 85-87.
- 217. Тринклер Л.Э., Тринклер М.Ф. Д состояния в кристалле КУ-Sn // Опт. и спектр. — 1989. — Т. 66., вып. 2. — С. 326-331
- 218. Тринклер Л.Э., Тринклер М.Ф. Полосы поглощения, обусловленные околоактиваторными экситонами, в кристаллах КУ с примесями ртутеподобных ионов // Опт. и спектр. — 1987. — Т. 63., вып. 6. — С. 1280—1282.

- 219. Тринклер М.Ф., Тринклер Л.Э. Низкотемпературная оптическая вспышка в КМ-7С, созданная облучением в Д и С полосах поглощения // Опт и спектр. — 1987 — Т. 63., вып. 2. — С. 307—313.
- 220. Тринклер М.Ф., Тринклер Л.Э. Поляризационные исследования стимулированной активаторной ломинесценции в кристалле КУ-7ℓ при низких температурах. // Тезисы докладов УІ Всесоюзной конференции по радиационной физике и химии ионных кристаллов Рига, 1986. С. 337-338.
- 221. Плявинь И.К., Тринклер Л.Э., Тринклер М.Ф. Низкотемпературная вспышка КУ-Яп , запасенная облучением в Д области. // Препринт ИФ АН ЛССР, Саласпилс, 1989. 240.
- 222. Van Puymbroeck W., Schoeneker D. Electron-Spin-Resonance Study of Complex Interstitial Helogen H<sub>D</sub>-Type Defects in KCl Doped with Divalent Cations // Phys. Rev. B. -1981. - V. 23, N 4. - P. 1670-1684.
- 223. Данилов В.П., Мурина Т.М., Прохоров А.М и др. Образование высокоэнергетических состояний ртутеподобных ионов в ШТК в процессе рекомбинации электронов и дырок. // Письма в ЖЭТФ. - 1989. - Т. 49, вып. 1. - С. 21-23.
- 224. Фрин С.Э. Оптические спектры атомов. М., Л., 1963. 690 с.